



7630

接觸電流測試器

使用說明書

C1.08

校驗及校正聲明

華儀電子股份有限公司特別聲明，本產品完全符合華儀電子產品型錄上所標示的規範和特性，且在出廠前已通過廠內校驗，校驗的程序和步驟完全符合電子檢驗中心的規範和標準。

產品品質保證

華儀電子股份有限公司保證所生產製造的本產品均經過嚴格的品質確認，保證自出廠三年內，在正常使用下，如果有施工瑕疵或零件故障，將負責免費給予修復，但如果有下列情形之一者，將不提供免費保修服務。

1. 非本公司生產的附屬設備或附件。
2. 非正常的使用、人為疏忽、或非人力可控制下產生的故障，例如地震、水災、暴動、或火災等。
3. 使用者自行更改電路、功能、或逕行修理本產品、零件或外箱造成的故障或損壞。
4. 機器蓋板接合處封條貼紙破損。

在三年的保證期內，故障或損壞的產品，請送回本公司維修中心或指定的經銷商，華儀會予以妥善修護。

免責聲明

本產品已停產，我們仍提供操作說明書給有需求的客戶參考。但，該說明書將不再進行維護或更新。由於不同客戶的儀器版本可能有所差異，若有疑問，歡迎聯繫艾科尼斯業務團隊，我們將竭誠為您提供協助，確保您的使用體驗無憂。

Compliance Information

Conforms with the following product standards:

EMC Standard

EN 55011:2009+A1:2010

EN 61326-1:2013

1. The product is intended for use in non-residential/non-domestic environments. Use of the product in residential/domestic environments may cause electromagnetic interference.
2. Connection of the instrument to a test object may produce radiations beyond the specified limit.
3. Use high-performance shielded interface cable to ensure conformity with the EMC standards listed above.

第一章 簡介	1
1.1 符號和標誌	1
1.1.1 安規符號	1
1.1.2 小心和警告標誌	1
1.2 技術用語彙篇(本技術用語使用於操作使用手冊內)	2
1.3 安全規定	3
1.3.1 維護和保養	3
1.3.2 測試工作站	4
1.3.3 操作人員規定	4
1.3.4 測試安全程序規定	5
1.3.5 安全注意事項	5
1.4 安規介紹	5
1.5 安規測試	6
1.5.1 耐壓測試(Dielectric Withstand Voltage Test).....	6
1.5.2 絕緣電阻測試(Insulation Resistance Test).....	8
1.5.3 接地電阻測試(Ground Continuity Test or Ground Bond Test)	9
1.5.4 產品電氣系統測試(RUN Test).....	9
1.5.5 接觸電流測試(Touch Current Test).....	9
第二章 安裝	11
2.1 拆封和檢查	11
2.1.1 包裝	11
2.1.2 包裝方式	11
2.2 安裝	12
2.2.1 工作場所	12
2.2.2 輸入電源的需求	12
2.2.3 環境條件	12
第三章 技術規範	13
3.1 功能及規格	13
3.2 面板說明	27
3.3 背板說明	29
3.4 OPT.754 高壓和接地阻抗連接測試模組 HV & GB Link Module	32

第四章 設定說明	33
4.1 系統參數(Setup System)設定	35
4.1.1 時間及日期設定(Time and Data)	35
4.1.2 校正日期預警(Calibration Alert)	35
4.1.3 硬體功能(Hardware)設定	36
4.1.4 安全設定(Security)	37
4.1.5 開機顯示設定(Power-On screen)	38
4.2 測試參數(Setup Tests)設定	40
4.2.1 Add 鍵	40
4.2.2 Edit 鍵	41
4.2.3 Delete 鍵	42
4.2.4 Prompt 鍵	42
4.2.5 File 鍵	43
4.2.6 Fail Stop 鍵	45
4.3 測試參數	45
4.3.1 產品電氣測試(Run Test)設定	46
4.3.2 接觸電流測試(Touch Current)設定	51
第五章 操作說明	65
5.1 執行測試(Perform Tests)設定	65
5.1.1 讀取程式記憶組(Load file)	65
5.1.2 單一步驟連結測試(Single Step)	66
5.1.3 測試失敗停止模式設定(Fail Stop)	66
5.1.4 測試結果選擇(Results)	66
5.2 訊息說明	67
5.2.1 一般訊息說明	67
5.2.2 錯誤訊息顯示	69
5.3 操作程序及步驟	70
5.4 7630+OPT.754 與 安規測試器接線圖	73
第六章 介面說明	74
6.1 標準遙控介面 (Remote I/O)	74
6.1.1 遙控訊號輸出 (Signal Output)	74
6.1.2 控訊號輸入與記憶程式	75

6.2 SCANNER & 輸入電源 I/O 訊號控制介面	76
6.2.1 輸入電源 I/O 訊號控制介面	76
6.2.2 SCANNER I/O 訊號控制介面.....	76
6.3 RS232/GPIB 介面	77
6.3.1 RS232 介面	77
6.3.2 GPIB 介面功能	86
6.3.3 GPIB 位址	88
6.4 IEEE-488 通信範例	88
6.5 不常更改的記憶體 (Non Volatile Memory)	88

第一章 簡介

高電壓測試前應該注意的規定和事項 !!!

1.1 符號和標誌

1.1.1 安規符號



小心標誌。請參考手冊上所列的警告和注意說明，避免人員受傷害或儀器損壞。



電擊危險標誌，可能會有高電壓存在，請避免接觸。



機體接地符號。

1.1.2 小心和警告標誌



警告標誌，警告使用者所執行的程序、應用、或條件均具有很高的危險性，若未依正確的操作程序，可能導致人員受傷或甚至死亡。



提醒標誌，提醒使用者必須注意所執行的程序、應用、或條件均可能造成本產品損壞或失掉產品內所有儲存的資料。

為防止意外傷害或死亡發生，在搬移和使用本產品時，請務必先觀察清楚標誌及相關說明，然後再進行動作。

1.2 技術用語彙篇(本技術用語使用於操作使用手冊內)

交流電壓(AC): 有規則性和正負方向的電壓，目前世界上大都使用每秒 60Hz 或 50Hz 的電壓。

耐壓崩潰(Breakdown): 絕緣體在某些情況之下會發生電弧或電暈的現象，如果電壓逐漸被提升，絕緣體會在某一個電壓值突然崩潰，這時的電流的流量和電壓值不會成為等比例增加。

導電(Conductive): 在每立方公分的體積內，其電阻值不超過 1000 歐姆，或每平方公分的表面積內，其電阻值不超過 100000 歐姆。

導電體(Conductor): 一種固體或液體物質，可以讓電流流過，在每立方公分的體積內，其電阻值不超過 1000 歐姆。

電流(Current): 電子在導體上的流動，其量測單位為安培(ampere)、毫安培(milliampere)、或微安培(microampere)等，其代表符號為 I。

介電體(Dielectric): 在兩個導電體之間的絕緣物質，可以讓兩個導電體產生充電現象或出現電位差。

直流電(DC): 電流只流向單一方向，具有極性的特點，一端的電位永遠較另外一端為高。

耐壓測試器(Hipot Tester): 通常應用在介電體耐壓的測試儀器。

絕緣體(Insulation): 具有 1000GΩ/cm 的氣體、液體或固體，其目的在於避免電流在兩導電體之間流通。

絕緣電阻測試器(Insulation Resistance Tester): 一種具有電阻量測到 200MΩ 以上能力的儀器，一般都必須在電阻錶內使用一個高壓電源供應器，量測能力才能超過 200 MΩ 以上。

洩漏電流(Leakage): AC 或 DC 電流流經絕緣體或其表面，在 AC 方面也同時會流經電容體，電流的流量和電壓成正比例。絕緣或電容體的阻抗值為恆定，除非發生耐壓崩潰的現象。

電阻(Resistance): 一種可以阻止電流通的物質，在電流通過這種物質後，會用產生熱量作為表現的方式，單位為 Ohm(Ω)，代表符號為 R。

跳脫點(Trip Point): 在介電耐壓測試時可以被判定為不可接受條件的最低電流量。

電壓(Voltage): 電子流在兩導體之間的壓力，通常為驅動電流在導體上流通的壓力，代表符號為 V。

1.3 安全規定

- 在開始使用之前，請先了解本產品所有使用和相關的安全標誌，以策安全。
- 本產品所引用的安全規範為 Safety Class I(機體具有保護用的接地端子)的規定。
- 在開啟本產品的輸入電源開關前，請先選擇正確的輸入電壓，詳細輸入資訊請參考第三章技術規範。
- 示波器一律使用隔離式電源。

WARNING

本產品的電壓和電流足以造成人員傷害或感電，為了防止意外傷害或死亡發生，在搬移或使用本產品時，請務必先觀察清楚標誌及相關說明，然後再進行動作。

1.3.1 維護和保養

使用者的維護

本產品內部所有的零件，絕對不需使用者的維護，請勿掀開儀器的外殼，避免感電。若要進行外部清潔，請以乾淨的擦拭布擦示即可，不要使用清潔劑或化學溶劑，避免塑膠零件(如控制按鍵和開關)或印刷文字的損壞。如果本產品有異常情況發生，**請向華儀電子或指定的經銷商尋求維護**，或歡迎利用**華儀官網的聯絡我們**和我們聯繫。

定期維護

本產品和相關附件每年至少要仔細檢驗和校驗一次，以保護使用者的安全和確保儀器的精確性。

使用者的修改

使用者不得自行更改本產品的線路或零件，如有自行更改，或有使用未經華儀認可的零件或附件，該儀器的保證期將自動失效，且華儀不負任何維修或未經許可造成的相關責任。如發現回廠檢修的本產品被自行更改或是用非認可的零件，華儀會將儀器的電路或零件修復成原來設計的狀態，並收取修護費用。

1.3.2 測試工作站

工作站位置

因本產品有高電壓輸出，工作站必須安排在一般人員不需要經過的地方，避免危險，但如果作業安排無法避免時，必須將工作站與其它設施隔開來並且須特別標明 " 高壓測試工作站 "。如果高壓測試工作站與其它作業站非常接近時，必須特別注意安全的問題，且在進行高壓測試時，必須標明 " 危險！ 高壓測試進行中，非工作人員請勿靠近 "。

工作場所

儘可能使用非導電材質的工作桌工作台。操作人員和待測物之間不得使用任何金屬，且不得跨越被測物操作或調整本產品。如果被測物體積很小，儘可能將它放置於非導電的箱體內，例如壓克力箱等。

工作場所必須隨時保持整齊、乾淨，不得雜亂無章。儀器和測試線要做測試中物件、待測物件、和已測物件的狀態標示，且要讓所有人員都能快速識別，而不使用的儀器和測試線請放至固定位置。

工作場所及其周邊的空氣中不能含有可燃氣體，亦不可以在易燃物質的旁邊使用本產品。

輸入電源

本產品必須要有良好的接地，作業前務必接受地線，以確保人員安全。工作站的電源必須有獨立的開關及裝置於入口顯眼處，且並須做特別標示讓所有的人員都能輕易辨別，若一旦有緊急事故發生時，即可立即關閉電源，再做事故處理。

1.3.3 操作人員規定

人員資格

WARNING

本產品所輸出的電壓和電流在異常操作時，足以造成人員傷害或致命，請務必由訓練合格的人員使用和操作。

安全守則

操作人員必須隨時給予教育和訓練，使其了解各種操作的規則及其重要性，以便能依安全規則操作本產品。

衣著規定

操作人員請勿穿戴具有金屬裝飾的衣服或飾品，以避免感電造成危險。

醫學規定

請勿讓有心臟病或配戴心律調整器的人員操作本產品。

1.3.4 測試安全程序規定

如果儀器有外部安全接地接點，請確認接地接點已被接受，並請特別注意，開機前必須確認已將高壓回線(Return)接受，而要進行測試時才將高壓測試線接上。使用高壓測試線(夾)時必須握在絕緣部份—**絕對不能直接觸摸高壓輸出端(夾)**，而且操作人員必須能夠完全掌控本儀器的控制開關及遙控開關，遙控開關必須放置於固定位置。

CAUTION

本產品安規測試器的高壓回線(Return)並未直接接地。這樣的設計可以量測到極微量的漏電流，但是在進行測試時，被測物必須與地線和大地完全絕緣，避免無法量測到電流或量測到的電流值不準確。若需更詳細的資訊，請與華儀電子客支部連繫。

WARNING

測試進行中，請勿碰觸測試物件或任何與待測物有連接的物件。

1.3.5 安全注意事項

- 非合格的操作人員和不相關的人員應遠離高壓測試區。
- 隨時保持高壓測試區是在安全和有秩序的環境及狀態。
- 若有任何異常發生，請立即關閉高壓輸出。
- 直流耐壓測試完成後，請務必先對待測物進行放電，再拆除連接的測試線。

1.4 安規介紹

安規測試的重要性使用者的安全

在消費意識高漲的現今世界，每一個電氣和電子產品的製造商，必須盡最大的能力，將產品的安全做好。每一種產品的設計必須盡其可能，不讓使用者有被感電的機會。縱然是使用者發生錯誤使用也應無感電機會。為了達到一般公認的安全要求，"耐壓測試器"就必須被使用。安規執行單位、例如 UL、CSA、IEC、BSI、VDE、TUV 和 JSI 等都要求各製造商在設計和生產電子或電氣產品時要使用 "耐壓測試器" 作為安全測試。這些安規執行單位有時也會要求某些產品必須做絕緣電阻測試、接地電阻測試，甚至要求做洩漏電流測試。

1.5 安規測試

1.5.1 耐壓測試(Dielectric Withstand Voltage Test)

耐壓測試的基礎理論是將一個產品暴露在非常惡劣的環境之下，如果產品能夠在這種惡劣的環境之下還能維持正常狀況，就可以確定在正常的環境之下工作，也一定可以維持很正常的狀況。最常使用耐壓測試的情況為：

- 設計時的功能測試：確定所設計的產品能達到其功能要求的條件。
- 生產時的規格測試：確認所生產的產品能達到其規格要求的標準。
- 品保時的確認測試：確認產品的品質能符合安規的標準。
- 維修後的安全測試：認維修後的產品能維持符合安規的標準。

不同的產品有不同的技術規格，基本上在耐壓測試時是將一個高於正常工作的電壓加在產品上測試，這個電壓必須持續一段規定的時間。如果一個零組件在規定的時間內，其漏電電流量亦保持在規定的範圍內，就可以確定這個零組件在正常的條件下運轉，應該是非常安全。而優良的設計和選擇良好的絕緣材料可以保護使用者，讓他免予受到意外感電。

本儀器所做的耐壓測試，一般稱之為 " 高電壓介電測試 "，簡稱為 " 耐壓測試 "。基本的規定是以兩倍於被測物的工作電壓，再加一千伏特，作為測試的電壓標準。有些產品的測試電壓可能高於 $2 \times \text{工作電壓} + 1000 \text{ V}$ 。

例如有些產品的工作電壓範圍是從 100V 到 240V，這類產品的測試電壓可能在 1000V 到 4000V 之間或更高。一般而言，具有 " 雙絕緣 " 設計的產品，其使用的測試電壓可能高於 $2 \times \text{工作電壓} + 1000 \text{ V}$ 的標準。

耐壓測試在產品的設計和樣品製作時比正式生產時的測試更為精密，因為產品在設計測試階段便已決定產品的安全性。雖然在產品設計時只是用少數的樣品來作判斷，然而生產時的線上測試更應嚴格要求所有的產品都必須能通過安規標準，可以確認沒有不良品會流出生產線。

耐壓測試器的輸出電壓必須保持在規定電壓的 100%到 120%的範圍內。AC 耐壓測試器的輸出頻率必須維持在 40 到 70Hz 之間，同時其波峰值不得低於均方根(RMS)電壓值的 1.3 倍，並且其波峰值不得高於均方根(RMS)電壓值的 1.5 倍。

高壓測試能檢測出下列狀況

- 絕緣材料的絕緣強度太弱
- 絕緣體上有針孔
- 零組件之間的距離不夠
- 絕緣體被擠壓而破裂

1.5.1.1 交流耐壓(ACW)測試的優缺點

請先與受測試產品所指定的安規單位確認該產品應該使用何種電壓，有些產品可以同時接受直流和交流兩種測試選擇，但是仍然有多種產品只允許接受直流或交流中的一種測試。如果安規規範允許同時接受直流或交流測試，製造廠就可以自己決定何種測試對於產品較為適當。為了達成此目地，使用者必須了解直流和交流測試的優缺點。

交流耐壓(ACW)測試的特點

大部份做耐壓測試的被測物都會含有一些雜散電容量。用交流測試時可能無法充飽這些雜散電容，會有一個持續電流流過這些雜散電容。

交流耐壓(ACW)測試的優點

1. 一般而言，交流測試比直流測試更容易被安規單位接受。主因是大部份的產品都使用交流電，而交流測試可以同時對產品作正負極性的測試，與產品使用的環境完全一致，合乎實際使用狀況。
2. 由於交流測試時無法充飽那些雜散電容，但不會有瞬間衝擊電流發生，因此不需讓測試電壓緩慢上升，可以一開始測試就全電壓加上，除非這種產品對衝擊電壓很敏感。
3. 由於交流測試無法充滿那些雜散電容，在測試後不必對測試物作放電的動作，這是另外一個優點。

交流耐壓(ACW)測試的缺點

1. 主要的缺點為，如果被測物的雜散電容量很大或被測物為電容性負載時，這樣所產生的電流，會遠大於實際的漏電電流，因而無法得知實際的漏電電流。
2. 另外一個缺點是由於必須供應被測物的雜散電容所需的電流，機器所需輸出的電流會比採用直流測試時的電流大很多。這樣會增加操作人員的危險性。

1.5.1.2 直流耐壓(DCW)測試的優缺點

直流耐壓(DCW)測試的特點

在直流耐壓測試時，被測物上的雜散電容會被充滿，直流耐壓測試時所造成的容性電流，在雜散電容被充滿後，會下降到趨近於零。

直流耐壓(DCW)測試的優點

一旦被測物上的雜散電容被充滿，只會剩下被測物實際的漏電電流。直流耐壓測試可以很清楚的顯示出被測物實際的漏電電流。

另外一個優點是由於僅需在短時間內，供應被測物的充電電流，其它時間所需供應的電流非常小，所以機器的電流容量遠低於交流耐壓測試時所需的電流容量。

直流耐壓(DCW)測試的缺點

1. 除非被測物上沒有任何電容量存在，否則測試電壓必須由 " 零 " 開始，緩慢上升，以避免充電電流過大，電容量越大所需的緩升時間越長，一次所能增加的電壓也越低。充電電流過大時，一定會引起測試器的誤判，使測試的結果不正確。
2. 由於直流耐壓測試會對被測物充電，所以在測試後，一定要先對被測物放電，才能做下一步工作。
3. 與交流測試不一樣，直流耐壓測試只能單一極性測試，如果產品要使用於交流電壓下，這個缺點必須被考慮。這也是大多數安規單位都建議使用交流耐壓測試的原因。
4. 在交流耐壓測試時，電壓的波峰值是電錶顯示值的 1.4 倍，這一點是一般電錶所不能顯示的，也是直流耐壓測試所無法達到的。所以多數安規單位都要求，如果使用直流耐壓測試，必須提高測試電壓到相等的數值。

1.5.2 絕緣電阻測試(Insulation Resistance Test)

新設計的一些安規分析儀大都將絕緣電阻測試的功能含蓋在內，基本上絕緣電阻測試功能必須提供一個 500 到 1000VDC 的電壓，同時電阻的量測範圍也必須可以由幾百 $k\Omega$ 量測到幾個 $G\Omega$ 。這些功能可以讓產品的製造廠符合安全要求的規定，TUV 和 VDE 等安規執行單位在某些特定的產品會要求先做絕緣電阻的測試，然後才能執行耐壓測試，這項規定目前大都被引用在產品設計所執行的安規試驗上。

絕緣電阻測試的基本理論與耐壓測試非常類似，耐壓測試的判定是以漏電流量為基準，而絕緣電阻測試則以電阻值的形態作為判定依據，通常必須為多少 MΩ 以上。

絕緣電阻值越高表示產品的絕緣越好。絕緣電阻測試的接線方式與耐壓測試完全相同，量測到的絕緣電阻值為兩個測之間以及其週邊連接在一起的各项關連網路所形成的等效電阻值。

華儀電子的安規測試設備內所含蓋的絕緣電阻測試功能，是一項獨立的測試功能，不會與耐壓測試的功能互相重疊，使用上更為簡便。

1.5.3 接地電阻測試(Ground Continuity Test or Ground Bond Test)

接地電阻測試的主要目的為確定被測物在故障的情況之下，安全接地線是否能承擔故障的電流流量，接地的電阻值必須越低越好，這樣才能確認一旦產品發生故障時，在輸入的電源開關尚未切斷電源以前，可以讓使用者免於感電的危險和威脅。

1.5.4 產品電氣系統測試(RUN Test)

許多產品製造商希望產品在最終的安規測試之後也能開機測試以便確認產品的功能，除了測試產品的基本功能外，許多顧客也需要一些產品在測試時的基本資料。RUN TEST Module 允許待測物(產品)在安規測試之後立刻提供電源給待測物，在待測物測試時並顯示電流、電壓、瓦特及功率因數之數值。

1.5.5 接觸電流測試(Touch Current Test)

接觸電流測試是諸多安規測試之中的一項測試，通常安規執行單位、例如 UL、CSA、IEC、BSI、VDE、TUV 和 JSI 等會要求某些產品必須做這項測試。電源洩漏電流的測試規格視各種不同的產品而有很大的不同，產品應用的場所和功能的不同，也會造成規格標準的差別。

電流洩漏電(Current Leakage)和電源洩漏(Line Leakage)測試為通稱的電源洩漏電流測試條款，事實上可以被區分為三種不同的測試，分別為對地洩漏電電流(Earth Leakage Current)、對表面洩漏電流(Enclosure 或 Surface Leakage Current)和表面間洩漏電電流(Applied Part 或 Surface to Surface Leakage)。主要的不同點在於測試棒所量測位置的不同而有所不同，對地洩漏電流為漏電電流經由電源線上的接地線流回大地，而表面洩漏電流是由於人員觸摸機體時，洩漏電流經由人體流回大地。另外表面間洩漏電流或稱為治療洩漏電流(Patient Lead Leakage)則為任何應用物件之間或流向應用物件的洩漏電流，通常只有醫療儀器有這項測試的要求。

這些測試的主要目的為讓使用者在操作或手握應用物件時非常安全，而不致於有感電傷害的危險。

電源洩漏電流測試模組所提供的測試能力完全符合 UL 544、IEC 950、UL 1950、IEC 1010、UL 3101、IEC 601-1、UL 2601、UL1563 和其他測試規格所規定的電源洩漏電流測試規格的標準。電源洩漏電流測試為一種產品的洩漏電流經由一組模擬人體阻抗電路作為量測依據的測試，這個模擬人體阻抗的電路被稱為 " 人體阻抗模擬電路(Measuring Device, MD) "。本儀器備有五種不同的人體阻抗模擬電路(MD)，在本儀器的測試參數設定時可以選擇其中一組作為人體阻抗模擬電路(MD)的依據，每一組的人體阻抗模擬電路(MD)代表人體在不同情況之下的阻抗。人體的阻抗由於人機接觸點的位置、面積和電流的流向而有所不同，基於上述這些理由，人體阻抗模擬電路規格的選擇必須依據要做何種測試以及所能允許的最大洩漏電流量來決定。產品洩漏電流的量測不但要做產品正常工作和異常時的量測，同時必須做電源極性反向時的量測，以避免當產品在輸入電壓的最高值(通常為輸入電壓額定值的 110%)工作時，因異常或使用不當而所引起的諸多問題和危險。

接觸電流測試通常規定產品在開發設計和驗證時必須做這項測試，這樣可以確認產品在設計時能夠符合規格的標準，但是這仍無法保證生產線上的每一個產品都能符合規格的要求，所以在生產線上生產的每個產品都必須做測試，才能完全保證產品符合規格的要求。

第二章 安裝

本章主要介紹華儀電子產品的拆封、檢查、使用前的準備、和儲存等的規則。

2.1 拆封和檢查

2.1.1 包裝

華儀電子的產品使用含有泡棉保護的包裝箱作防護，如果收到產品時包裝箱有破損，請檢查機器的外觀有無變形、刮傷、或面板損壞等問題。如果有損壞，請立即通知華儀電子或指定的經銷商以進行產品修護或更換新機，並請保留原包裝箱和泡棉，以便了解發生的原因。產品退回前，請先和華儀電子或指定經銷商聯繫，在未聯繫前，請勿先退回產品。

2.1.2 包裝方式

原始包裝

請保留所有的原始包裝材料，如果儀器必須回廠維修，請用原來的包裝材料包裝。並請先與華儀電子的維修中心連絡。送修時，請務必將電源線和測試線等全部的附件一起送回，並註明故障現象和原因。另外，請在包裝上註明“易碎品”請小心搬運。

其它包裝

如果無法找到原始材料包裝，請依下列步驟及說明進行產品包裝：

1. 先用氣泡布或保麗龍將儀器包妥。
2. 再將儀器置於可以承受 150KG(350lb.)的多層紙箱包裝。
3. 儀器的面板必須先用厚紙板保護，儀器週圍必須使用可防震的材料填充，厚度大約為 70 到 100mm(3 到 4inch)。
4. 妥善密封箱體。
5. 註明 " 易碎品 " 請小心搬運。

2.2 安裝

2.2.1 工作場所

WARNING

在接上輸入電源之前，必須先確認電源線上的地線已被接受，同時請將地線連接於機體的接地端子上。本儀器使用三芯的電纜線，電源插頭只能插在帶有地線的電源插座上，如果使用延長線，請必須注意延長線是否具有接地線，如果電源線插到具有地線的插座或端子時，即完成機體接地。

2.2.2 輸入電源的需求

本產品使用 115V AC 或 230V AC \pm 15% 47-63 Hz 的單相電源，儀器會自動偵測輸入電源的電壓，不需切換輸入電壓之開關。在開啟本產品的電源開關前，請使用正確規格的保險絲。更換保險絲前，務必先關閉輸入電源，以避免危險。

請依第三章節 技術規範中使用的保險絲，或參考儀器背板上標示的規格更換保險絲，請勿任意變更保險絲的規格。

2.2.3 環境條件

本產品可以在下列環境下被使用，儲存和運輸，而要進行絕緣阻抗(IR)量測前，請先暖機 30 分鐘。

操作環境

溫度：0°-40°C(32°-104°F)。

相對濕度：20 到 80%之間。

高度：海拔 2000 公尺(6500 英尺)以下。

儲存和運輸環境

週圍溫度：-40°到 75°C

高度：海拔 7620 公尺(25000 英尺)

7630 必須避免溫度的急劇變化，溫度急劇變化可能會使水氣凝結於機體內部。

第三章 技術規範

3.1 功能及規格

MODEL		7630			
INPUT					
Voltage	115V / 230Vac \pm 15%				
Frequency	50Hz / 60Hz \pm 5%				
Current	max. 2A				
Line Condition					
Power Switch	Reverse polarity switch for normal condition (on / off / auto setting)				
Neutral Switch	Neutral switch on / off selection for single fault condition				
Ground Switch	Ground switch on / off selection for class I single fault condition				
Probe Setting					
Surface to Surface (PH - PL)					
Surface to Line (PH - L)					
Ground to Line (G - L)					
Ground to Neutral (G - N)					
Auto Function (G - N & G - L)					
SETTING					
Touch Current High / Low Limit (AC+DC/ AC/ DC)	Range	0.0uA - 999.9uA / 1000uA - 9999uA / 10.00mA - 20.00mA			
	Resolution	0.1uA / 1uA / 0.01mA			
Touch Current High / Low Limit (Peak)	Range	0.0uA - 999.9uA / 1000uA - 9999uA / 10.00mA - 30.00mA			
	Resolution	0.1uA / 1uA / 0.01mA			
DISPLAY					
Touch Current & I _{max} Display (RMS)	Auto Range	Ranges	MD Major Resistance is 0.5K Ω	MD Major Resistance is 1K Ω	MD Major Resistance is 1.5K Ω
		Range 1	0.0uA - 64.0uA	0.0uA - 32.0uA	0.0uA - 22.0uA
		Resolution	0.1uA	0.1uA	0.1uA
		Range 2	56.0uA - 260.0uA	28.0uA - 130.0uA	18.3uA - 85.0uA
		Resolution	0.1uA	0.1uA	0.1uA
		Range 3	240.0uA - 999.9uA, 1000uA - 1050uA	120.0uA - 525.0uA	80.0uA - 350.0uA
		Resolution	0.1uA / 1uA	0.1uA	0.1uA

	Range 4	800.0uA - 999.9uA, 1000 - 4200uA	400.0uA - 999.9uA, 1000uA - 2100uA	266.6uA - 999.9uA, 1000uA - 1400uA
	Resolution	0.1uA / 1uA	0.1uA / 1uA	0.1uA / 1uA
	Range 5	3600uA - 8399uA, 8.4mA - 16.80mA	1800uA - 8400uA	1200uA - 5600uA
	Resolution	1uA / 0.01mA	1uA	1uA
	Range 6	16.00mA - 20.00mA	8000uA - 8399uA, 8.40mA - 20.00mA	5300uA - 8399uA, 8.40mA - 20.00mA
	Resolution	0.01mA	1uA / 0.01mA	1uA / 0.01mA
	Accuracy (AC + DC)			
	Range 1 - 5 ^{*1}	DC : ± 2% of reading + 3 counts		
		15Hz < f < 100kHz : ± 2% of reading + 3 counts		
		100kHz < f < 1MHz : ± 5% of reading (> 10.0uA)		
	Range 6 ^{*1}	DC, 15Hz < f < 100kHz : ± 5% of reading (> 10.0uA)		
	Accuracy (AC) ^{*2}			
	Range 1 - 5 ^{*1}	15Hz < f < 30Hz : ± 3% of reading + 5 counts		
		30Hz < f < 100kHz : ± 2% of reading + 3 counts		
		100kHz < f < 1MHz : ± 5% of reading (> 10.0uA)		
	Range 6 ^{*1}	15Hz < f < 100kHz : ± 5% of reading (> 10.0uA)		
	Accuracy (DC) ^{*3}			
	Range 1 - 5 ^{*1}	DC : ± 2% of reading + 3 counts (> 10.0uA)		
	Range 6 ^{*1}	DC : ± 5% of reading (> 10.0uA)		
Fixed Range > 6% of Range	Ranges	MD Major Resistance is 0.5KΩ	MD Major Resistance is 1KΩ	MD Major Resistance is 1.5KΩ
	Range 1	0.0uA - 64.0uA	0.0uA - 32.0uA	0.0uA - 22.0uA
	Resolution	0.1uA	0.1uA	0.1uA
	Range 2	15.6uA - 260.0uA	7.8uA - 130.0uA	5.1uA - 85.0uA
	Resolution	0.1uA	0.1uA	0.1uA
	Range 3	63uA - 1050uA	31.5uA - 525.0uA	21.0uA - 350.0uA
	Resolution	1uA	0.1uA	0.1uA
	Range 4	252uA - 4200uA	126uA - 2100uA	84uA - 1400uA
	Resolution	1uA	1uA	1uA
	Range 5	1008uA - 8399uA, 8.4mA - 16.80mA	504uA - 8400uA	336uA - 5600uA
	Resolution	1uA / 0.01mA	1uA	1uA
	Range 6	1200uA - 8399uA, 8.40mA - 20.00mA	1200uA - 8399uA, 8.40mA - 20.00mA	1200uA - 8399uA, 8.40mA - 20.00mA

	Resolution	1uA / 0.01mA	1uA / 0.01mA	1uA / 0.01mA
	Accuracy (AC + DC)			
	Range 1 - 5 ^{*1}	DC, 15Hz < f < 100kHz : ± 2% of reading + 3 counts		
		100kHz < f < 1MHz : ± 5% of reading (> 10.0uA)		
	Range 6 ^{*1}	DC, 15Hz < f < 100kHz : ± 5% of reading (> 10.0uA)		
	Accuracy (AC) ^{*2}			
	Range 1 - 5 ^{*1}	15Hz < f < 30Hz : ± 3% of reading + 5 counts		
		30Hz < f < 100kHz : ± 2% of reading + 3 counts		
		100kHz < f < 1MHz : ± 5% of reading (> 10.0uA)		
	Range 6 ^{*1}	15Hz < f < 100kHz : ± 5% of reading (> 10.0uA)		
	Accuracy (DC) ^{*3}			
	Range 1 - 5 ^{*1}	DC : ± 2% of reading + 3 counts (> 10.0uA)		
	Range 6 ^{*1}	DC : ± 5% of reading (> 10.0uA)		
Fixed Range < 6% of Range	Ranges	MD Major Resistance is 0.5KΩ	MD Major Resistance is 1KΩ	MD Major Resistance is 1.5KΩ
	Range 1	N / A	N / A	N / A
	Resolution	N / A	N / A	N / A
	Range 2	0.0uA - 15.6uA	0.0uA - 7.8uA	0.0uA - 5.1uA
	Resolution	0.1uA	0.1uA	0.1uA
	Range 3	0uA - 63uA	0.0uA - 31.5uA	0.0uA - 21.0uA
	Resolution	1uA	0.1uA	0.1uA
	Range 4	0uA - 252uA	0uA - 126uA	0uA - 84uA
	Resolution	1uA	1uA	1uA
	Range 5	0uA - 1008uA	0uA - 504uA	0uA - 336uA
	Resolution	1uA	1uA	1uA
	Range 6	0uA - 1200uA	0uA - 1200uA	0uA - 1200uA
	Resolution	1uA	1uA	1uA
		Accuracy (AC + DC)		
	Range 1 - 5 ^{*1}	DC, 15Hz < f < 100kHz : (± 2% of reading + 3 counts) + (2% of reading + 0.2% of range)		
		100kHz < f < 1MHz : (± 5% of reading (> 10.0uA)) + (2% of reading + 0.5% of range)		
	Range 6 ^{*1}	DC, 15Hz < f < 100kHz : (± 5% of reading (> 10.0uA)) + (2% of reading + 0.2% of range)		
	Accuracy (AC) ^{*2}			
	Range 1 - 5 ^{*1}	15Hz < f < 30Hz : (± 3% of reading + 5 counts) + (2% of reading + 0.2% of range)		

		30Hz < f < 100kHz : (± 2% of reading + 3 counts) + (2% of reading + 0.2% of range)				
		100kHz < f < 1MHz : (± 5% of reading (> 10.0uA)) + (2% of reading + 0.5% of range)				
	Range 6 ^{*1}	15Hz < f < 100kHz : (± 5% of reading (> 10.0uA)) + (2% of reading + 0.2% of range)				
	Accuracy (DC) ^{*3}					
	Range 1 - 5 ^{*1}	DC : (± 2% of reading + 3 counts (> 10.0uA)) + (2% of reading + 0.2% of range)				
	Range 6 ^{*1}	DC : (± 5% of reading (> 10.0uA)) + (2% of reading + 0.2% of range)				
Touch Current & Imax Display (Peak)	Auto Range	Ranges	MD Major Resistance is 0.5KΩ	MD Major Resistance is 1KΩ	MD Major Resistance is 1.5KΩ	
		Range 1	0.0uA - 64.0uA	0.0uA - 32.0uA	0.0uA - 22.0uA	
		Resolution	0.1uA	0.1uA	0.1uA	
		Range 2	56.0uA - 260.0uA	28.0uA - 130.0uA	18.3uA - 85.0uA	
		Resolution	0.1uA	0.1uA	0.1uA	
		Range 3	240.0uA - 999.9uA, 1000uA - 1050uA	120.0uA - 525.0uA	80.0uA - 350.0uA	
		Resolution	0.1uA / 1uA	0.1uA	0.1uA	
		Range 4	800.0uA - 999.9uA, 1000uA - 4200uA	400.0uA - 999.9uA, 1000uA - 2100uA	266.6uA - 999.9uA, 1000uA - 1400uA	
		Resolution	0.1uA / 1uA	0.1uA / 1uA	0.1uA / 1uA	
		Range 5	3600uA - 8399uA, 8.40mA - 16.80mA	1800uA - 8400uA	1200uA - 5600uA	
		Resolution	1uA / 0.01mA	1uA	1uA	
		Range 6	16.00mA - 30.00mA	8000uA - 8399uA, 8.40mA - 30.00mA	5300uA - 8399uA, 8.40mA - 30.00mA	
		Resolution	0.01mA	1uA / 0.01mA	1uA / 0.01mA	
		Accuracy (AC + DC)				
		Range 1 - 5 ^{*1}	DC : ± 2% of reading + 3 counts			
			15Hz < f < 1MHz : ± 10% of reading + 2uA			
		Range 6 ^{*1}	DC : ± 2% of reading + 3 counts			
			15Hz < f < 100kHz : ± 10% of reading + 2counts			
	Accuracy (AC) ^{*2}					
	Range 1 - 5	15Hz < f < 1MHz : ± 10% of reading + 2uA				
Range 6	15Hz < f < 100kHz : ± 10% of reading + 2counts					
Fixed Range >	Ranges	MD Major Resistance is 0.5KΩ	MD Major Resistance is 1KΩ	MD Major Resistance is 1.5KΩ		

6% of Range	Range 1	0.0uA - 64.0uA	0.0uA - 32.0uA	0.0uA - 22.0uA	
	Resolution	0.1uA	0.1uA	0.1uA	
	Range 2	15.6uA - 260.0uA	7.8uA - 130.0uA	5.1uA - 85.0uA	
	Resolution	0.1uA	0.1uA	0.1uA	
	Range 3	63uA - 1050uA	31.5uA - 525.0uA	21.0uA - 350.0uA	
	Resolution	1uA	0.1uA	0.1uA	
	Range 4	252uA - 4200uA	126uA - 2100uA	84uA - 1400uA	
	Resolution	1uA	1uA	1uA	
	Range 5	1008uA - 8399uA, 8.40mA - 16.80mA	504uA - 8400uA	336uA - 5600uA	
	Resolution	1uA / 0.01mA	1uA	1uA	
	Range 6	1800uA - 8399uA, 8.40mA - 30.00mA	1800uA - 8399uA, 8.40mA - 30.00mA	1800uA - 8399uA, 8.40mA - 30.00mA	
	Resolution	1uA / 0.01mA	1uA / 0.01mA	1uA / 0.01mA	
	Accuracy (AC + DC)				
	Range 1 - 5 ^{*1}	DC : ± 2% of reading + 2uA			
		15Hz < f < 100kHz : ± 10% of reading + 2uA			
		100kHz < f < 1MHz : ± 10% of reading + 2uA			
	Range 6 ^{*1}	DC : ± 2% of reading + 3 counts			
		15Hz < f < 100kHz : ± 10% of reading + 2 counts			
	Accuracy (AC) ^{*2}				
	Range 1 - 5 ^{*1}	15Hz < f < 100kHz : ± 10% of reading + 2uA			
		100kHz < f < 1MHz : ± 10% of reading + 2uA			
	Range 6 ^{*1}	15Hz < f < 100kHz : ± 10% of reading + 2 counts			
	Fixed Range < 6% of Range	Ranges	MD Major Resistance is 0.5KΩ	MD Major Resistance is 1KΩ	MD Major Resistance is 1.5KΩ
		Range 1	N / A	N / A	N / A
Resolution		N / A	N / A	N / A	
Range 2		0.0uA - 15.6uA	0.0uA - 7.8uA	0.0uA - 5.1uA	
Resolution		0.1uA	0.1uA	0.1uA	
Range 3		0uA - 63uA	0.0uA - 31.5uA	0.0uA - 21.0uA	
Resolution		1uA	0.1uA	0.1uA	
Range 4		0uA - 252uA	0uA - 126uA	0uA - 84uA	
Resolution		1uA	1uA	1uA	
Range 5		0uA - 1008uA	0uA - 504uA	0uA - 336uA	
Resolution		1uA	1uA	1uA	
Range 6	0uA - 1800uA	0uA - 1800uA	0uA - 1800uA		

		Resolution	1uA	1uA	1uA		
		Accuracy (AC + DC)					
		Range 1 - 5 ^{*1}	DC : (± 2% of reading + 2uA) + (2% of reading + 0.2% of range)				
	15Hz < f < 100kHz : (± 10% of reading + 2uA) + (2% of reading + 0.2% of range)						
	100kHz < f < 1MHz : (± 10% of reading + 2uA) + (2% of reading + 0.5% of range)						
		Range 6 ^{*1}	DC : (± 2% of reading + 3 counts) + (2% of reading + 0.2% of range)				
	15Hz < f < 100kHz : (± 10% of reading + 2 counts) + (2% of reading + 0.2% of range)						
		Accuracy (AC) ^{*2}					
		Range 1 - 5 ^{*1}	15Hz < f < 100kHz : (± 10% of reading + 2uA) + (2% of reading + 0.2% of range)				
	100kHz < f < 1MHz : (± 10% of reading + 2uA) + (2% of reading + 0.5% of range)						
		Range 6 ^{*1}	15Hz < f < 100kHz : (± 10% of reading + 2 counts) + (2% of reading + 0.2% of range)				
Touch Voltage Display (RMS)	Auto Range	Ranges	MD Major Resistance is 0.5KΩ	MD Major Resistance is 1KΩ	MD Major Resistance is 1.5KΩ		
		Range 1	0.0mV - 32.0mV	0.0mV - 32.0mV	0.0mV - 32.0mV		
		Resolution	0.1mV	0.1mV	0.1mV		
		Range 2	28.0mV - 130.0mV	28.0mV - 130.0mV	28.0mV - 130.0mV		
		Resolution	0.1mV	0.1mV	0.1mV		
		Range 3	120.0mV - 525.0mV	120.0mV - 525.0mV	120.0mV - 525.0mV		
		Resolution	0.1mV	0.1mV	0.1mV		
		Range 4	400.0mV - 999.9mV, 1000mV - 2100mV	400.0mV - 999.9mV, 1000mV - 2100mV	400.0mV - 999.9mV, 1000mV - 2100mV		
		Resolution	0.1mV / 1mV	0.1mV / 1mV	0.1mV / 1mV		
		Range 5	1800mV - 8400mV	1800mV - 8400mV	1800mV - 8400mV		
		Resolution	1mV	1mV	1mV		
		Range 6	8000mV - 8399mV, 8.40V - 10.00V	8000mV - 8399mV, 8.40V - 20.00V	8000mV - 8399mV, 8.40V - 30.00V		
		Resolution	1mV / 0.01V	1mV / 0.01V	1mV / 0.01V		
		Accuracy (AC + DC)					
				Range 1 - 5 ^{*1}	DC : ± 2% of reading + 3 counts		
			15Hz < f < 100kHz : ± 2% of reading + 3 counts				
	100kHz < f < 1MHz : ± 5% of reading (> 10.0mV)						

	Range 6 ^{*1}	DC, 15Hz < f < 100kHz : ± 5% of reading (> 10.0mV)		
	Accuracy (AC) ^{*2}			
	Range 1 - 5 ^{*1}	15Hz < f < 30Hz : ± 3% of reading + 5 counts		
		30Hz < f < 100kHz : ± 2% of reading + 3 counts		
		100kHz < f < 1MHz : ± 5% of reading (> 10.0mV)		
	Range 6 ^{*1}	15Hz < f < 100kHz : ± 5% of reading (> 10.0mV)		
	Accuracy (DC) ^{*3}			
	Range 1 - 5 ^{*1}	DC : ± 2% of reading + 3 counts (> 10.0mV)		
	Range 6 ^{*1}	DC : ± 5% of reading (> 10.0mV)		
Fixed Range > 6% of Range	Ranges	MD Major Resistance is 0.5KΩ	MD Major Resistance is 1KΩ	MD Major Resistance is 1.5KΩ
	Range 1	0.0mV - 32.0mV	0.0mV - 32.0mV	0.0mV - 32.0mV
	Resolution	0.1mV	0.1mV	0.1mV
	Range 2	7.8mV - 130.0mV	7.8mV - 130.0mV	7.8mV - 130.0mV
	Resolution	0.1mV	0.1mV	0.1mV
	Range 3	31mV - 525mV	31.5mV - 525.0mV	31.5mV - 525.0mV
	Resolution	1mV	0.1mV	0.1mV
	Range 4	126mV - 2100mV	126mV - 2100mV	126mV - 2100mV
	Resolution	1mV	1mV	1mV
	Range 5	504mV - 8400mV	504mV - 8400mV	504mV - 8400mV
	Resolution	1mV	1mV	1mV
	Range 6	600mV - 8399mV 8.40V - 10.00V	1200mV - 8399mV, 8.40V - 20.00V	1800mV - 8399mV, 8.40V - 30.00V
	Resolution	1mV / 0.01V	1mV / 0.01V	1mV / 0.01V
	Accuracy (AC + DC)			
	Range 1 - 5 ^{*1}	DC, 15Hz < f < 100kHz : ± 2% of reading + 3 counts		
		100kHz < f < 1MHz : ± 5% of reading (> 10.0mV)		
	Range 6 ^{*1}	DC, 15Hz < f < 100kHz : ± 5% of reading (> 10mV)		
	Accuracy (AC) ^{*2}			
	Range 1 - 5 ^{*1}	15Hz < f < 30Hz : ± 3% of reading + 5 counts		
		30Hz < f < 100kHz : ± 2% of reading + 3 counts		
		100kHz < f < 1MHz : ± 5% of reading (> 10.0mV)		
	Range 6 ^{*1}	15Hz < f < 100kHz : ± 5% of reading (> 10mV)		
	Accuracy (DC) ^{*3}			
	Range 1 - 5 ^{*1}	DC : ± 2% of reading + 3 counts (> 10.0mV)		
	Range 6 ^{*1}	DC : ± 5% of reading (> 10mV)		

		Ranges	MD Major Resistance is 0.5K Ω	MD Major Resistance is 1K Ω	MD Major Resistance is 1.5K Ω
		Range 1	N / A	N / A	N / A
		Resolution	N / A	N / A	N / A
		Range 2	0.0mV - 7.8mV	0.0mV - 7.8mV	0.0mV - 7.8mV
		Resolution	0.1mV	0.1mV	0.1mV
		Range 3	0mV - 31mV	0.0mV - 31.5mV	0.0mV - 31.5mV
		Resolution	1mV	0.1mV	0.1mV
		Range 4	0mV - 126mV	0mV - 126mV	0mV - 126mV
		Resolution	1mV	1mV	1mV
		Range 5	0mV - 504mV	0mV - 504mV	0mV - 504mV
		Resolution	1mV	1mV	1mV
		Range 6	0mV - 600mV	0mV - 1200mV	0mV - 1800mV
		Resolution	1mV	1mV	1mV
		Accuracy (AC + DC)			
	Fixed Range < 6% of Range	Range 1 - 5 ^{*1}	DC, 15Hz < f < 100kHz : (\pm 2% of reading + 3 counts) + (2% of reading + 0.2% of range)		
100kHz < f < 1MHz : (\pm 5% of reading (> 10.0mV)) + (2% of reading + 0.5% of range)					
Range 6 ^{*1}			DC, 15Hz < f < 100kHz : (\pm 5% of reading (> 10mV)) + (2% of reading + 0.2% of range)		
		Accuracy (AC) ^{*2}			
		Range 1 - 5 ^{*1}	15Hz < f < 30Hz : (\pm 3% of reading + 5 counts) + (2% of reading + 0.2% of range)		
			30Hz < f < 100kHz : (\pm 2% of reading + 3 counts) + (2% of reading + 0.2% of range)		
			100kHz < f < 1MHz : (\pm 5% of reading (> 10.0mV)) + (2% of reading + 0.5% of range)		
		Range 6 ^{*1}	15Hz < f < 100kHz : (\pm 5% of reading (> 10mV)) + (2% of reading + 0.2% of range)		
		Accuracy (DC) ^{*3}			
		Range 1 - 5 ^{*1}	DC : (\pm 2% of reading + 3 counts (> 10.0mV)) + (2% of reading + 0.2% of range)		
		Range 6 ^{*1}	DC : (\pm 5% of reading (> 10mV)) + (2% of reading + 0.2% of range)		
Touch Voltage Display (Peak)	Auto Range	Ranges	MD Major Resistance is 0.5K Ω	MD Major Resistance is 1K Ω	MD Major Resistance is 1.5K Ω
		Range 1	0.0mV - 32.0mV	0.0mV - 32.0mV	0.0mV - 32.0mV

Resolution	0.1mV	0.1mV	0.1mV	
Range 2	28.0mV - 130.0mV	28.0mV - 130.0mV	28.0mV - 130.0mV	
Resolution	0.1mV	0.1mV	0.1mV	
Range 3	120.0mV - 525.0mV	120.0mV - 525.0mV	120.0mV - 525.0mV	
Resolution	0.1mV	0.1mV	0.1mV	
Range 4	400.0mV - 999.9mV, 1000mV - 2100mV	400.0mV - 999.9mV, 1000mV - 2100mV	400.0mV - 999.9mV, 1000mV - 2100mV	
Resolution	0.1mV / 1mV	0.1mV / 1mV	0.1mV / 1mV	
Range 5	1800mV - 8400mV	1800mV - 8400mV	1800mV - 8400mV	
Resolution	0.1mV / 1mV	0.1mV / 1mV	0.1mV / 1mV	
Range 6	8000mV - 8399mV, 8.40V - 15.00V	8000mV - 8399mV, 8.40V - 30.00V	8000mV - 8399mV, 8.40V - 45.00V	
Resolution	1mV / 0.01V	1mV / 0.01V	1mV / 0.01V	
Accuracy (AC + DC)				
Range 1 - 5 ^{*1}	DC : ± 2% of reading + 3 counts			
	15Hz < f < 1MHz : ± 10% of reading + 2mV			
Range 6 ^{*1}	DC : ± 2% of reading + 3 counts			
	15Hz < f < 100kHz : ± 10% of reading + 2 counts			
Accuracy (AC) ^{*2}				
Range 1 - 5 ^{*1}	15Hz < f < 1MHz : ± 10% of reading + 2mV			
Range 6 ^{*1}	15Hz < f < 100kHz : ± 10% of reading + 2 counts			
Fixed Range > 6% of Range	Ranges	MD Major Resistance is 0.5KΩ	MD Major Resistance is 1KΩ	MD Major Resistance is 1.5KΩ
	Range 1	0.0mV - 32.0mV	0.0mV - 32.0mV	0.0mV - 32.0mV
	Resolution	0.1mV	0.1mV	0.1mV
	Range 2	7.8mV - 130.0mV	7.8mV - 130.0mV	7.8mV - 130.0mV
	Resolution	0.1mV	0.1mV	0.1mV
	Range 3	31mV - 525mV	31.5mV - 525.0mV	31.5mV - 525.0mV
	Resolution	1mV	0.1mV	0.1mV
	Range 4	126mV - 2100mV	126mV - 2100mV	126mV - 2100mV
	Resolution	1mV	1mV	1mV
	Range 5	504mV - 8400mV	504mV - 8400mV	504mV - 8400mV
	Resolution	1mV	1mV	1mV
	Range 6	900mV - 8399mV, 8.40V - 15.00V	1800mV - 8399mV, 8.40V - 30.00V	2700mV - 8399mV, 8.40V - 45.00V
	Resolution	1mV / 0.01V	1mV / 0.01V	1mV / 0.01V
	Accuracy (AC + DC)			

		Range 1 - 5 ^{*1}	DC : ± 2% of reading + 2mV		
			15Hz < f < 100kHz : ± 10% of reading + 2mV		
			100kHz < f < 1MHz : ± 10% of reading + 2mV		
		Range 6 ^{*1}	DC : ± 2% of reading + 3 counts		
			15Hz < f < 100kHz : ± 10% of reading + 2 counts		
		Accuracy (AC) ^{*2}			
	Range 1 - 5 ^{*1}	15Hz < f < 100kHz : ± 10% of reading + 2mv			
		100kHz < f < 1MHz : ± 10% of reading + 2mV			
	Range 6 ^{*1}	15Hz < f < 100kHz : ± 10% of reading + 2 counts			
	Fixed Range < 6% of Range	Ranges	MD Major Resistance is 0.5KΩ	MD Major Resistance is 1KΩ	MD Major Resistance is 1.5KΩ
		Range 1	N / A	N / A	N / A
		Resolution	N / A	N / A	N / A
Range 2		0.0mV - 7.8mV	0.0mV - 7.8mV	0.0mV - 7.8mV	
Resolution		0.1mV	0.1mV	0.1mV	
Range 3		0mV - 31mV	0.0mV - 31.5mV	0.0mV - 31.5mV	
Resolution		1mV	0.1mV	0.1mV	
Range 4		0mV - 126mV	0mV - 126mV	0mV - 126mV	
Resolution		1mV	1mV	1mV	
Range 5		0mV - 504mV	0mV - 504mV	0mV - 504mV	
Resolution		1mV	1mV	1mV	
Range 6		0mV - 900mV	0mV - 1800mV	0mV - 2700mV	
Resolution		1mV	1mV	1mV	
Accuracy (AC + DC)					
Range 1 - 5 ^{*1}		DC : (± 2% of reading + 2mV) + (2% of reading + 0.2% of range)			
		15Hz < f < 100kHz : (± 10% of reading + 2mV) + (2% of reading + 0.2% of range)			
		100kHz < f < 1MHz : (± 10% of reading + 2mV) + (2% of reading + 0.5% of range)			
Range 6 ^{*1}		DC : (± 2% of reading + 3 counts) + (2% of reading + 0.2% of range)			
	15Hz < f < 100kHz : (± 10% of reading + 2counts) + (2% of reading + 0.2% of range)				
Accuracy (AC) ^{*2}					
Range 1 - 5 ^{*1}	15Hz < f < 100kHz : (± 10% of reading + 2mv) + (2% of reading + 0.2% of range)				
	100kHz < f < 1MHz : (± 10% of reading + 2mV) + (2% of reading + 0.5% of range)				

		Range 6 *1	15Hz < f < 100kHz : (± 10% of reading + 2 counts) + (2% of reading + 0.2% of range)
Measuring Device Module			
MD1	IEC60990 Fig4 U2, IEC 60950 - 1, IEC60335 - 1, IEC60598 - 1, IEC60065, IEC61010, IEC62368		
	IEC60990 Fig4 U1		
MD2	IEC60990 Fig5 U3, IEC60598 - 1, IEC62368		
	IEC60990 Fig5 U1		
MD3	IEC 60601 - 1		
MD4	UL544NP, UL484 , UL923, UL471, UL867, UL697		
MD5	UL544P		
MD6	UL1563		
MD7	IEC60950, IEC61010 - 1 FigA.2 (2K ohm) for RUN Test MD Circuit (Opt.752)		
External MD & Frequency check	Basic measuring element 1kΩ		
MD Components	Accuracy : Capacitor : ± 5%; Resistance : ± 1%		
MD Voltage Limit	Maximum 70 Vpeak or 70 VDC		
Leakage Current Offset	Range : 0 - 6500uA		
DUT POWER			
AC Voltage	0.0 - 277.0V		
AC Current	40Arms max continuous		
Over Current Protection	50Arms, Response Time < 2 sec / 250Apeak Response Time < 10 usec		
AC Voltage High / Low Limit	Range	0.0 - 277.0V	
	Resolution	0.1V / step	
AC Voltage Display	Range	0.0 - 277.0 V	
	Resolution	0.1V / step	
	Accuracy	± (1.5% of reading + 2 counts) , 30.0 - 277.0VAC	
Delay time setting	Range	0.5 - 999.9s for AC + DC; 1.8 - 999.9s for AC / DC only Auto range; 1.3 - 999.9s for AC / DC only Fixed range	
	Resolution	0.1s	
Dwell time setting	Range	0, 0.5 - 999.9s for AC + DC, (0 = continuous); 0, 0.1 - 999.9s for AC / DC only, (0 = continuous)	
	Resolution	0.1s	
Timer display	Range	0.0 - 999.9s	
	Resolution	0.1s	
	Accuracy	± (0.1% of reading + 0.05 sec)	

GENERAL	
PLC Remote Control	Input : Test, Reset, Interlock, Recall File 1 through10 Output : Pass, Fail, Test - in - Process, Start - Out, Reset - Out
Scanner Control	It is applied to control Matrix Scanner (Model 7006)
Memory	40 memories, 30 steps / memory Max. Result Display 900 data (30 memories x 30 steps)
Auto Reverse Function	AUTO Reverse ON / OFF parameter setting selection Automatic Reverse polarity switch for normal condition in one step setting menu Only display maximum leakage current value
Scope Output Interface	At rear panel BNC type to connet scope for some IEC standards test requirement and application
Display	320 x 240 graphic LCD
LCD Contrast Setting	Range : 1 - 9; 1 is lightest character, 9 is darkest character
Alarm Volume Setting	Range : 0 - 9; 0 = OFF, 1 is softest volume, 9 is loudest volume
Security	Lockout capability to avoid unauthorized access to test set - up programs
Calibration	Software and adjustments are made through front panel. Automatic Calibration alert function to signal operator when calibration is due
Results Display	All test result information will be displayed on the screen
Interface	USB & RS232 standard / GPIB option
Dimension (W x H x D), mm	430 x 133 x 300
Weight	12Kg
STANDARD ACCESSORIES	
Power Cord (10A)	× 1
Fuses	× 2 (Including a spare contained in the fuse holder)
Interlock Disable Key (1505)	× 1
Hipot Return Lead, 1.8m (1102)	× 2
Dut Power Cable 40A, 1.5m (1148)	× 1
Dut Input Power Lead 40A, 3m (1151)	× 1
USB Link Cable, 1.8m	× 1

RUN Test Function		
W	Range : 0 - 1KW / 1 - 10KW, Resolution : 0.1W / 1W	
A	Range : 0.000 - 3.500A / 3.00 - 40.00A, Resolution : 0.001A/ 0.01A	
PF	0.000 -1.000	
Leakage Current	Range : 0.00 - 10.00mA, Resolution : 0.01mA	
AC Current High / Low Limit Setting	Range	0 - 40A
	Resolution	0.01A / step
AC Current Display	Range	0.000 - 3.500A / 3.00 - 40.00A
	Resolution	0.001A / 0.01A
	Accuracy	± (2% of reading + 5 counts) / ± (2% of reading + 2 counts)
AC Power High / Low Limit Setting	Range	0 - 10KW
	Resolution	1W
AC Power Display	Range	0.0 - 1000.0W / 1000 - 10000W
	Resolution	0.1W / 1W
	Accuracy	± (5% of reading + 9 counts)
Power Factor High / Low Limit Setting	Range	0.000 - 1.000
	Resolution	0.001
Power Factor Display	Range	0.000 - 1.000
	Resolution	0.001
	Accuracy	± (8% of reading + 2 counts), V > 60VAC & PF > 0.2
Leakage Current High/Low Limit Setting	Range	0.00 - 10.00mA
	Resolution	0.01mA
Leakage Current Display	Range	0.00 - 10.00mA
	Resolution	0.01mA
	Accuracy	± (2% of reading + 2 counts)
Delay Timer Setting	Range	0.5 - 999.9s
	Resolution	0.1s
Dwell Timer Setting	Range	0, 0.1 - 999.9s (0 = Continuous)
	Resolution	0.1s
Timer display	Range	0.0 - 999.9s
	Resolution	0.1s
	Accuracy	± (0.1% of reading + 0.05s)
Power Control	It is applied to control Transformer Box (1931 / 1931S) or AC Power Source(6700 / 6800 / 6400 Series)	
Opt. 760 HV & GB Link Module		
Max. ACW 5kVAC, DCW 6kVDC & Max. Ground Bond 40A		

Opt. 754 High Measurement Range 35mA _{rms} / 75mA _{peak}	
Current accuracy and resolution are same as standard current range .	
Only support 4 MD below :	
MD1	IEC60990 Fig4 U2, IEC 60950 - 1, IEC60335-1, IEC60598 - 1, IEC60065, IEC61010
	IEC60990 Fig4 U1
MD2	IEC60990 Fig5 U3, IEC60598-1
	IEC60990 Fig5 U1
MD3	IEC 60601 - 1
MD5	UL544NP, UL484 , UL923, UL471, UL867, UL697

If the opt.754 function is enabled, the MD module MD4, MD6 & MD7 will be disabled.

- *1. If the final measured signal is >range 5 then the maximum composite signal that can be measure is 28 volts peak. If the final measured signal is ≤ range 5 then the maximum composite signal that can be measure is 12 volts peak.
- *2. AC cutoff frequency for High Pass Filter is 15Hz on AC only mode
- *3. AC cutoff frequency for Low Pass Filter is 15Hz on DC only mode

【Ordering Information】

7630 Touch Current Tester

Opt.109 Replace RS232 Interface by GPIB Interface Card

Opt.754 High Measurement Range 35mA_{rms} / 75mA_{peak} & 4MDs

Opt.760 HV (5KV_{vac} / 6.0KV_{dc}) & GB(40A) Link Module w / o TUV

Opt.766 AC / DC / AC + DC Touch Current Measurement

Opt.789 MD Module (5MDs)JIS C9250, UL544NP, UL1563

Option for External MD

Opt.7020 MD 1k ohm(non-inductive resistor)

Opt.7021 MD NFPA99 Figure A.8.4.1.3.3

Opt.7022 MD IEC60974

Opt.7023 MD IEC60598-1

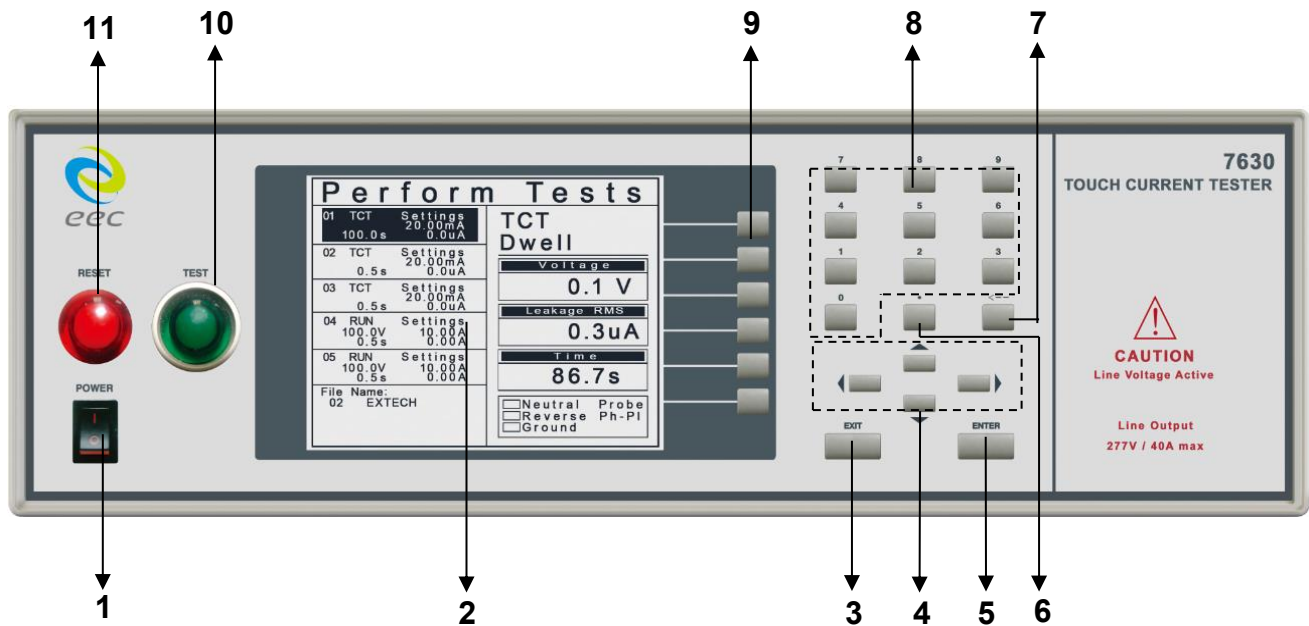
Opt.7024 MD NFPA99 Figure A.4.3.3.1.3b

Opt.7025 MD NFPA99 Figure A.4.3.3.1.3a

Opt.7027 MD 2k ohm(non-inductive resistor)

7006 Matrix Scanner

3.2 面板說明



1. POWER 輸入電源開關

標有國際標準“1”(ON)和“0”(OFF)符號的開關，作為輸入的電源開關。

2. LCD 顯示器

320*240 LCD 顯示器，作為顯示設定資料或測試結果的顯示器。

3. EXIT 鍵

作為離開設定模式之功能鍵，如所輸入的數字有錯誤，可以按 **Exit** 鍵清除錯誤的數字，再重新輸入正確的數字，如果所輸入的數字超出本儀器規格範圍，儀器會發出警報聲音。

4. CURSOR 方向按鍵

這四個按鍵當再選擇狀態的情況下時做為選擇按鍵用分別為 ◀ 左鍵, ▶ 右鍵, ▲ 上鍵 ▼ 下鍵。

5. ENTER 鍵

輸入確認和功能設定之功能鍵。

6. . 鍵

小數點之輸入鍵。

7. ← 鍵

刪除鍵，用於清除輸入之數值或文字，或當回復鍵使用。

8. 數字鍵

0 ~ 9 為各種參數數字之輸入鍵。

9. 功能選擇鍵

作為選擇進入系統參數、測試參數和測試畫面，在不同畫面下對應不同功能的操作鍵。

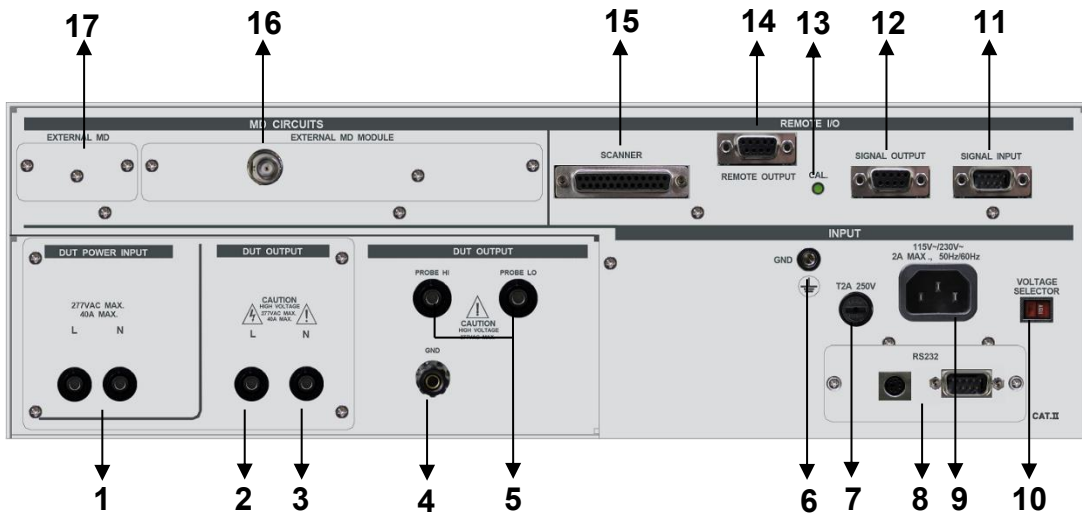
10. TEST 開關

綠色的瞬時接觸開關同時內含 PASS 的指示燈，作為測試的起動開關。在待測物通過測試時，這個綠色指示燈會亮。

11. RESET 開關

紅色的瞬時接觸開關同時內含 FAIL 的指示燈。在設定模式時其功能和 EXIT 鍵相同，可以作為離開設定模式的開關。在測試進行時，作為關閉警報聲進入下一個待測狀態的開關。在測試進行之中，也可以作為中斷測試的開關。在待測物未能通過測試時，這個紅色指示燈會亮。

3.3 背板說明



1. DUT POWER INPUT L/N 端子

外接電源輸入端子，電源經 7630 後，提供待測物測試所用，建議使用市電接隔離變壓器或華儀電子的交流電源供應器。

2. L 端子

外接電源經 7630 輸出到待測物的火線 (Line) 的輸出端子。

3. N 端子

外接電源經 7630 輸出到待測物的中性線 (Neutral) 的輸出端子。

4. GND 端子

本儀器至待測物輸入電源接地線的連接端子，此端子與本儀器上的接地端子完全隔離 (容量 40A)。

5. PROBE HI/PROBE LO 端子排

人體阻抗模型 (MD) 測試棒的高電壓和低電壓輸入端子，通常使用為“對表面洩漏電流測試”和“表面間洩漏電流測試”時的高電壓和低電壓輸入端子。

6. 接地端子

機殼接地端子。在本儀器操作運轉前，請務必將本接地安裝妥當。

7. 保險絲座

輸入電源保險絲座，如需更換保險絲時，請更換正確規格的保險絲。

8. INTERFACE 裝置

嵌入式介面槽，本儀器所附之標準介面為 RS232。

9. 儀器輸入電源座

標準 IEC 320 電源插座，用以連接 NEMA 的標準電源線。

10. 輸入電壓選擇開關

選擇儀器的輸入電壓為 115V 或 230V 的選擇開關。

11. SIGNAL INPUT 端子排

遙控訊號輸入端子排，D 型 (9PIN) 型端子排公座，可以控制 TEST、RESET 和十組記憶組 (M1~M10)。

12. SIGNAL OUTPUT 端子排

遙控訊號輸出端子排，D 型 (9PIN) 端子排母座，使用繼電器 (RELAY) 接點輸出 PASS、FAIL 和 PROCESSING 等功能的訊號，以供遙控裝置使用。

13. 校正開關

要進入校正模式時，需先按住此開關，再開啟輸入電源開關。

14. REMOTE OUTPUT 端子

輸入電源控制訊號端子，此訊號控制端子提供 4 個 I/O 訊號，可透過此控制端子來控制 DUT POWER INPUT 端的輸入電源。

15. SCANNER 端子

I/O 訊號控制端，提供 4 個 I/O 訊號，可利用此 I/O 訊號透過掃描器等來控制待測物 Probe HI 端和 Probe LO 端的 HI/LO 訊號。

註: REMOTE OUTPUT 與 SCANNER 可同時使用，但此時 REMOTE OUTPUT 僅有 4 個 I/O 訊號，而 SCANNER 僅有 3 個 I/O 訊號可使用。

16. INTERNAL MD MODULE 訊號端子

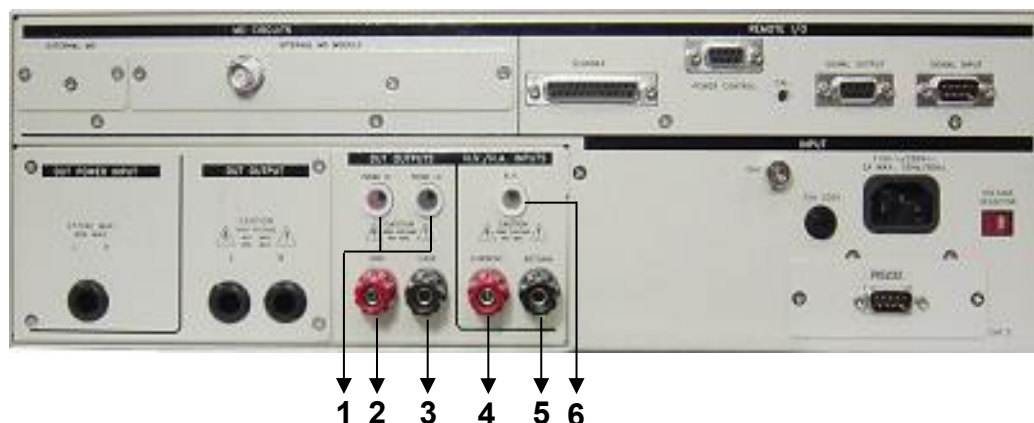
MD 電路輸出訊號端子，可提供使用者外接示波器等去比對或量測內建 MD 線路的波形。
另可選購 OPT.754 High Measurement Range 35mA_{rms} / 75mA_{peak} & 4MDS。當選購 OPT.754 功能時，此端子僅提供使用者外接示波器等去比對或量測選購功能線路的波形。

備註：示波器一律使用隔離式電源

17. EXTERNAL MD 端子

外接 MD 電路的端子。

3.4 OPT.754 高壓和接地阻抗連接測試模組 HV & GB Link Module



1. PROBE HI/PROBE LO 端子排

人體阻抗模型 (MD) 測試棒的高電壓和低電壓輸入端子，通常使用為“對表面洩漏電流測試”和“表面間洩漏電流測試”時的高電壓和低電壓輸入端子。

2. GND 端子

本儀器至待測物輸入電源接地線的連接端子，此端子與本儀器上的接地端子完全隔離 (容量 40A)。此端子於接地阻抗測試時，為電流輸出端。

3. CASE 端子

本儀器至待測物機體或接地點的連接端子，提供為與華儀安規儀器連接測試 (例如耐壓、絕緣和接地阻抗測試等) 時的回路(Return)測試點。在執行接觸電流測試時，此接地點與接觸電流測試電路完全隔離 (容量 40A)。

4. CURRENT 端子

連接至華儀接地阻抗測試儀的電流輸出端子 (容量 40A)。

5. RETURN 端子

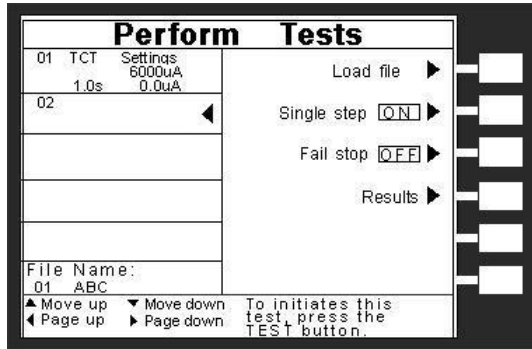
連接至華儀接安規儀器的回線輸出端子(容量 40A)。

6. H. V.端子

連接至華儀耐壓測試儀的高壓輸出端子。

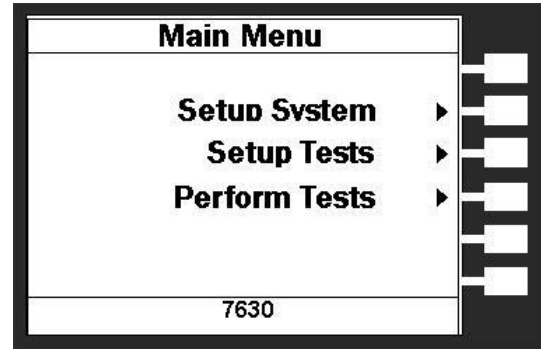
第四章 設定說明

7630 接觸電流測試器開機後，若停留至原開機畫面，請按任何鍵進入下一個畫面。



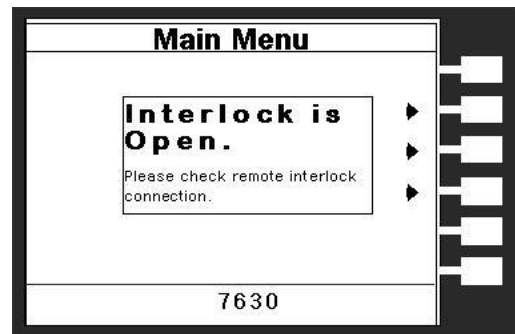
執行測試畫面

or

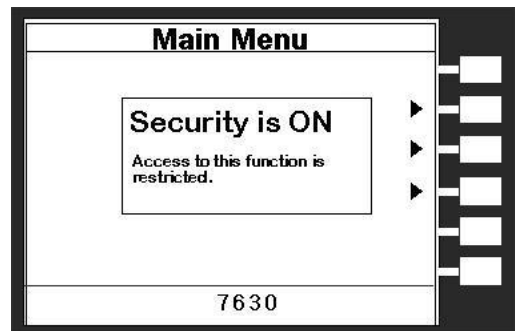


主畫面

7630 接觸電流測試器備有連結鎖定功能，要進入參數設定前，需先確認是否被鎖定。於按下 Perform Test 鍵後，如果本儀器已被鎖定，會發出兩聲短暫“嗶”的警告聲，同時顯示器也會顯示，如右圖。



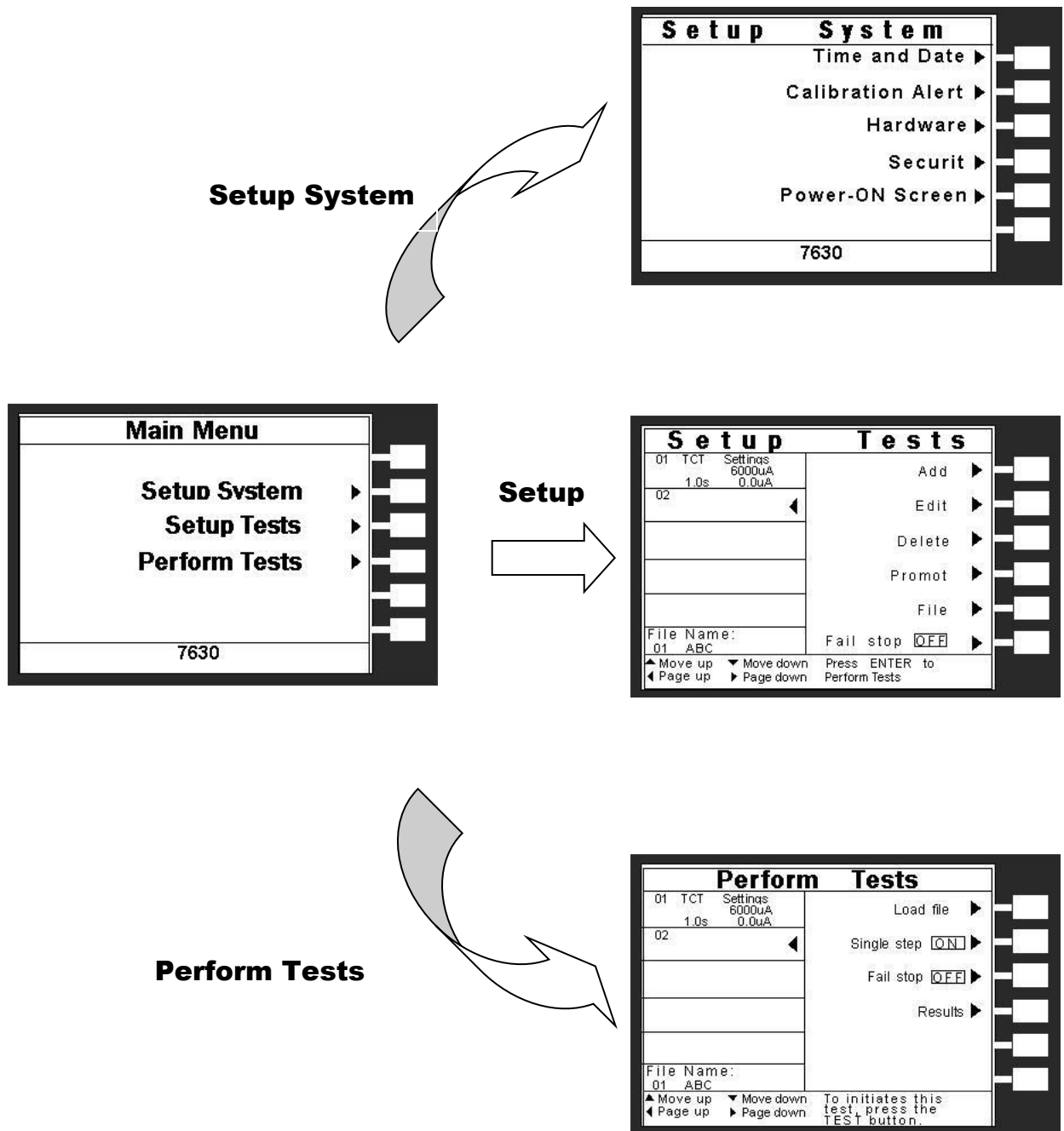
7630 接觸電流測試器也備有鍵盤鎖定功能，要進入參數設定前，需先確認鍵盤是否被鎖定。於按下 Menu 鍵後，進入參數設定畫面後，如果本儀器的鍵盤已被鎖定，會發出兩聲短暫“嗶”的警告聲，同時顯示器也會顯示，如右圖。



隨後又回到原先的畫面。因此必須先解除鎖定，才能進行測試參數的設定。請參照鍵盤鎖定的說明，解除鍵盤的鎖定。

“Main Menu”是進入系統參數設定模式，當進入主目錄設定模式後可選擇 Setup System、Setup Tests 及 Perform Tests 功能。按下 Setup System 鍵，會進入到下一個子目錄模式，同時會自動將設定的測試參數存入記憶體內。存入記憶體內的測試參數或模式，在關閉輸入電源後仍然

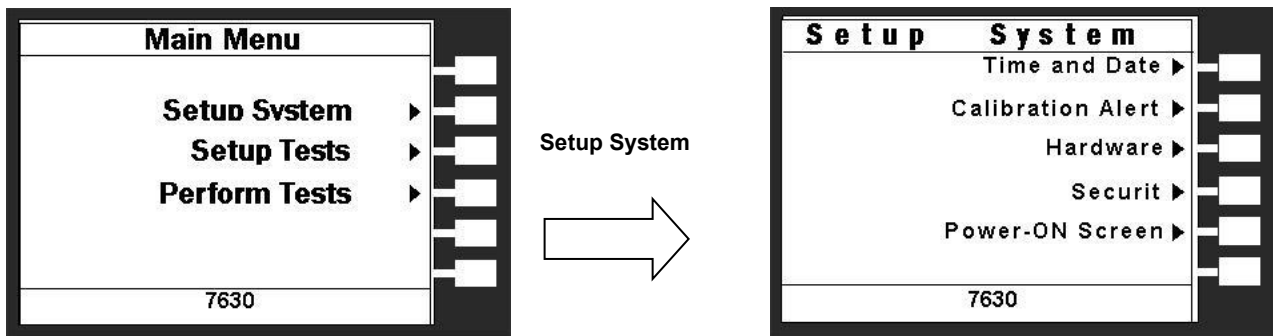
被繼續保留而不會被清除，除非再經過人為的重新設定。在**測試參數設定(Setup Tests)**或**系統參數設定(Setup System)**的過程中，如果不必全部重新設定時，可以在任何一個步驟完成後，按“EXIT”鍵離開測試參數設定模式，程式會回到主畫面，並將已設定的測試參數存入記憶體內，如下圖。



程式不接受不合理的設定和輸入，如有不合理的設定或輸入時，會發出兩個短暫的警告聲並且回到原先的設定。

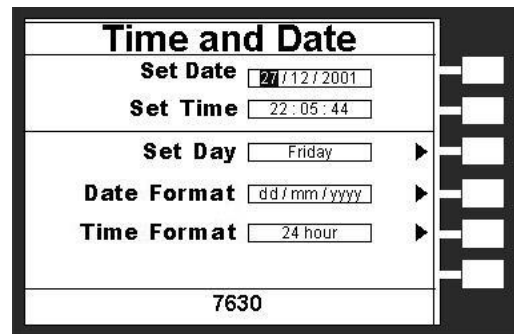
4.1 系統參數(Setup System)設定

使用 Setup System 鍵作為選擇一般參數項目的操作鍵 依序為時間及日期設定(Time and Data)、校正日期預警(Calibration Alert)、硬體功能設定(Hardware)、安全設定(Security) 及開機顯示設定(Power-On screen)。這些儀器的系統參數為測試時在儀器上的一般設定條件，與儀器測試的功能參數並無任何關聯，這些系統參數設定的儲存的位置，也與功能參數完全分開，如下圖。



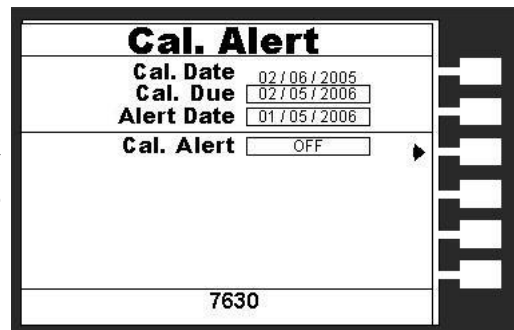
4.1.1 時間及日期設定(Time and Data)

請按下面板上的 Time and Data 鍵後按“<”,“>”, “√”,“^”方向鍵移動至需修改的日期或時間後，使用數字鍵輸入正確的時間及日期。Set Day 鍵為選擇設定 Monday、Tuesday.....、Data Format 為選擇設定年、月、日顯示方式:yyyy/mm/dd or mm/dd/yyyy，Time Format 為選擇設定 24 小時制或 12 小時制，如右圖。



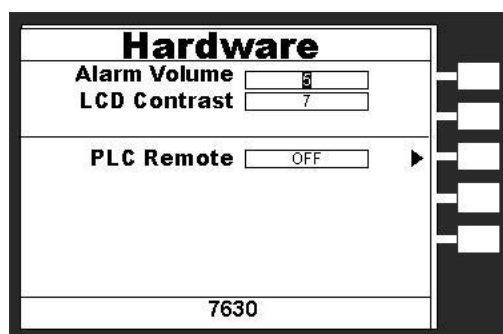
4.1.2 校正日期預警(Calibration Alert)

請按下面板上的 Calibration Alert 鍵後按“<”,“>”, “√”,“^”方向鍵移動至需修改的日期或時間後，使用數字鍵輸入正確的時間及日期。Cal.Due 為下次校正時間，Alert Date 為提前預警顯示時間，Cal.Alert 鍵為 ON/OFF 設定，判定是否預開啟預警顯示功能，如右圖。

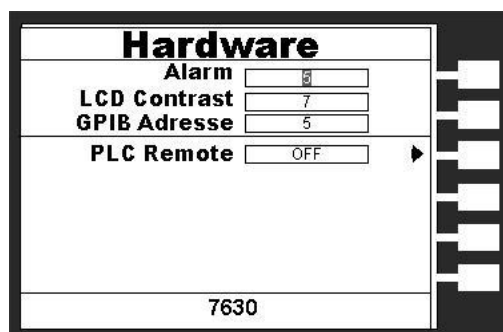


4.1.3 硬體功能(Hardware)設定

請按下面板上的 **Hardware** 鍵後按“√”、“^”方向鍵移動至需修改的警報音量(Alarm Volume)、LCD 反襯亮度(LCD Contrast)、PLC 遙控(PLC Remote)，如右圖。



若選購有 GPIB 功能，在此介面卡連接上 7630 時，系統會自動偵測，在硬體功能設定模式會增加 GPIB 地址設定(GPIB Address)功能項。



4.1.3.1 警報音量(Alarm Volume)

0 是作為關閉警報聲音之用，1 的音量最小，而 9 為最大。請用數字鍵輸入警報音量的數字，按下 ENTER 鍵，程式會立即改變警報音量的設定，並發出設定之音量。在警報音量設定完成後，程式會自動將所設定的警報音量數字存入記憶程式內。

4.1.3.2 LCD 反襯亮度(LCD Contrast)

輸入選擇 1~9，按下 ENTER 鍵，顯示器會立即改變 LCD 的反襯亮度，以供立即檢視反襯亮度是否適當。如須修改反襯亮度，可以直接修改，在 LCD 反襯亮度設定完成後，程式會自動將所設定的反襯亮度數字存入記憶程式內。LCD 反襯亮度的設定為 1~9，1 為反襯亮度最弱，而 9 為反襯亮度最強。

4.1.3.3 GPIB 地址設定(選購)

如本儀器未安裝 GPIB 介面卡，程式不會出現這個設定模式，顯示器也不會顯示這個畫面。請用數字鍵輸入 GPIB 的位址 0~30，然後再按 ENTER 鍵，顯示器會立即出現設定的位址數字。在 GPIB 位址設定完成後，程式會自動將所設定的 GPIB 位址的數字存入記憶程式內。

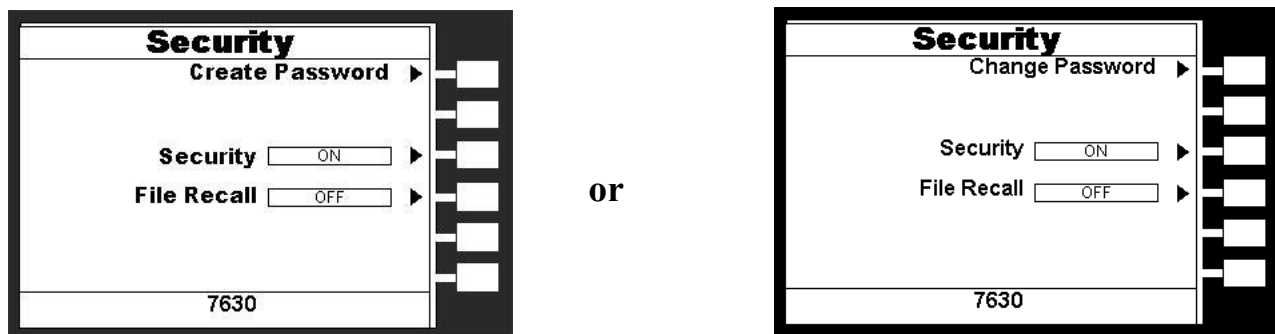
4.1.3.4 PLC 遙控(PLC Remote)

請用面板上 PLC Remote 鍵輸入選擇切換為 ON 或 OFF。如 PLC 遙控設定為 ON，本儀器的測試

啟動功能必須經由儀器背板的遙控端子控制，面板上的 TEST 開關不會起作用，而 RESET 開關仍然維持可以操作不受任何影響；如 PLC 遙控設定為 OFF，本儀器的測試操作功能完全由面板上的 TEST 開關和 RESET 開關操作，但是背板上的遙控 RESET 仍然有效。

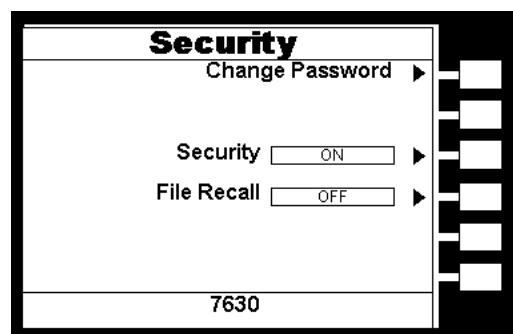
4.1.4 安全設定(Security)

按 Setup System 螢幕下的 Security 鍵後，LCD 顯示器會顯示如下圖。



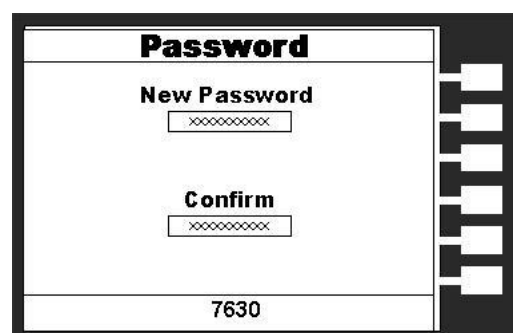
初始使用，因 7630 密碼尚未被設定，故會出現左邊之螢幕。使用者可於此螢幕中選擇“Creat Password”鍵去建立一個密碼，如此所有的安全功能都需要該密碼方能進入。這個安全設定螢幕有三個參數可進入，其為建立密碼(Creat Password)、安全鎖定(Security)及記憶組鎖定(File Recall)功能。

如果已建立密碼者，則其會出現上方右邊之螢幕，然後輸入正確的密碼再按 ENTER 輸入鍵後便會進入如右圖之安全設定螢幕(Security setting)，如果輸入的密碼錯誤，則蜂鳴器會發出警告或報音。在這個安全設定螢幕有三個參數可進入，其為改變密碼(Change Password)、鍵盤鎖定(Security)及記憶組鎖定(File Recall)功能。



4.1.4.1 建立密碼(Create Password)功能

在初始使用時可於安全設定螢幕下選擇“Creat Password”鍵，然後再按“ENTER”鍵即可去建立新密碼，密碼設定螢幕如右圖。



使用者可利用數字鍵去建立一 10 個位數的新密碼，再按“ENTER”鍵去接受新密碼或按“EXIT”鍵去跳離建立密碼功能。在使用者輸入新密碼被系統接受後，必須在“Confirm Password”處再次輸入您所設定的新密碼，然後按“ENTER”鍵去確認該密碼已被設定完成，亦或可按“EXIT”鍵去跳離建立密碼功能(此時密碼並未被建立完成)。

4.1.4.2 改變密碼(Change Password)功能

從安全設定螢幕下選擇“Change Password”鍵，然後再按“ENTER”鍵即會出現密碼設定螢幕。

4.1.4.3 鍵盤鎖定(Security)功能

在安全設定畫面下後再選擇“Security”功能去選擇“ON”或“OFF”。若此 7630 被設定為“ON”時，則該儀器被限制進入參數設定，此時執行測試(Perform Tests)螢幕中的“單一步驟連結測試(Single Step)”及“測試失敗停止模式設定(Fail Stop)”功能會失效。

4.1.4.4 記憶組鎖定(File Recall)功能

當鍵盤鎖定方式被設於鎖定模式“ON”之下時，如果記憶鎖定功能 (File Recall) 被選擇為 OFF 時，則記憶組 (File)會在鍵盤被鎖定時，一起被鎖定而無法被呼叫，如果記憶鎖定功能被選擇為“ON”時，則記憶組在鍵盤被鎖定時，仍然可以被呼叫。

備註 :其與鍵盤未被鎖定之不同處，為只能呼叫記憶組內已設定的測試參數，而無法修改測試參數和步驟。

4.1.4.5 取消密碼

在安全設定之螢幕下選擇“Change Password”功能，然後將密碼改為“0”即可取消密碼設定。

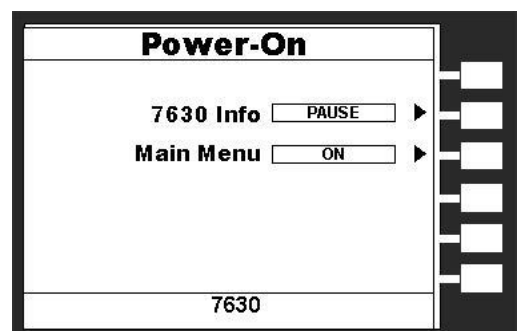
4.1.4.6 忘記密碼

如果使用者忘記密碼，在輸入密碼的地方輸入“0600”即會進入密碼設定功能，此時原本舊的密碼將不會被恢復，所以使用者必須重新設定密碼或設“0”取消密碼設定。

4.1.5 開機顯示設定(Power-On screen)

這個功能允許使用者去選擇儀器開機時所要的螢幕顯示。開機顯示設定功能螢幕如右圖。

若“7630 Info”設為 “PAUSE” 時：若 “Main Menu” 設為



“OFF” 則開機後畫面會停留於開機畫面，待按任何鍵才會進入執行測試畫面；若“Main Menu” 設為 “ON” 則開機後畫面會停留於開機畫面，待按任何鍵才會進入主畫面。

若“7630 Info” 設為 “CONTINUE” 時：若 “Main Menu” 設為 “OFF” 則開機 4 秒後系統會自動進入執行測試畫面；若“Main Menu” 設為 “ON” 則開機後系統會自動進入主畫面。

4.1.5.1 7630 資訊(7630 Info)

此功能為設定開機畫面之後為暫停這個畫面或跳到下一個螢幕。當選擇 “PAUSE”時，暫停在這個畫面直到按任意鍵才會進入下一個畫面；若選擇“CONTINUE”則開機 4 秒後系統會自動進入下一個畫面。當儀器被設定為“PAUSE”時，這“PRESS ANY KEY TO CONTINUE”字樣將會出現在開機畫面中的下方。

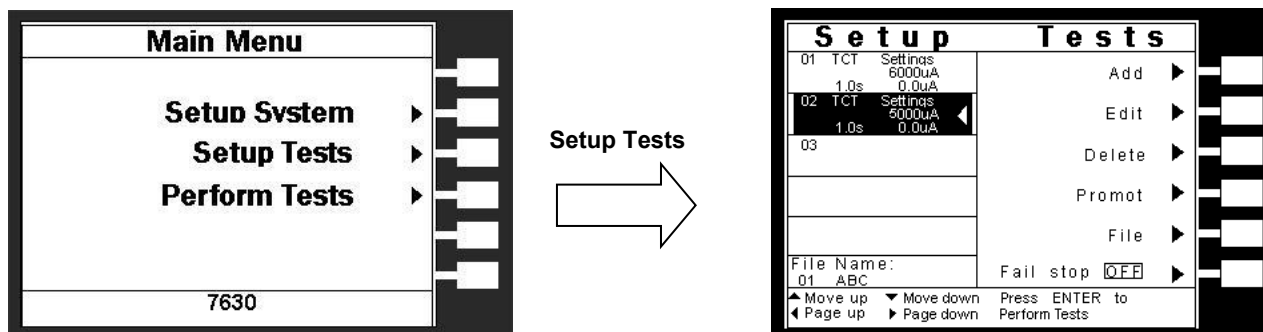
4.1.5.2 主畫面(Main Menu)選擇

當此功能被選擇為“ON”時，在開機畫面後下一個會先顯示“Main Menu” 畫面；若為“OFF”時，則在開機畫面後會下一個會顯示“執行測試(Perform Test)” 畫面。

所以若要在開機後能直接跳到“執行測試(Perform Test)” 畫面，則 7630 Info 要設定為“CONTINUE”及 Main Menu 要設定成“OFF”。

4.2 測試參數(Setup Tests)設定

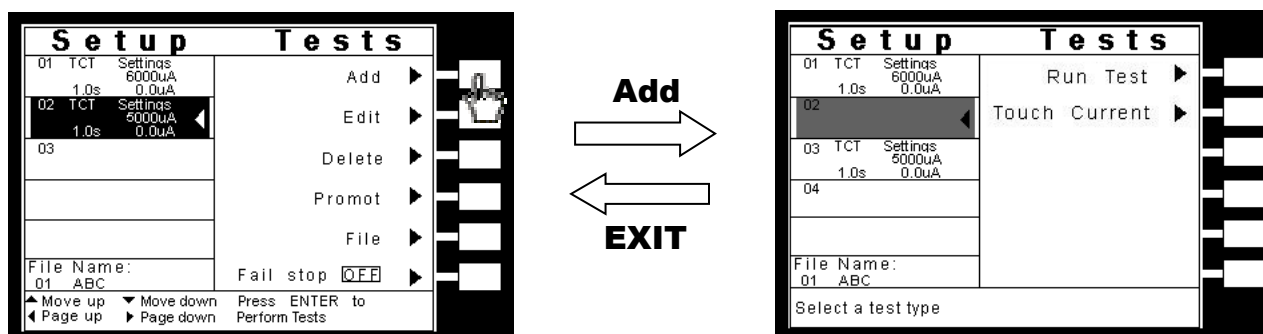
從主畫面選擇 Setup Tests 功能後，會進入到下一個子目錄模式，如下圖。



7630 有 40 個測試程式記憶組(File)，每組具有 30 個測試步驟(STEP)，每個測試步驟均可依序連結到下一個測試程式記憶組的測試步驟。但每個測試步驟只能設定一種測試功能。

4.2.1 Add鍵

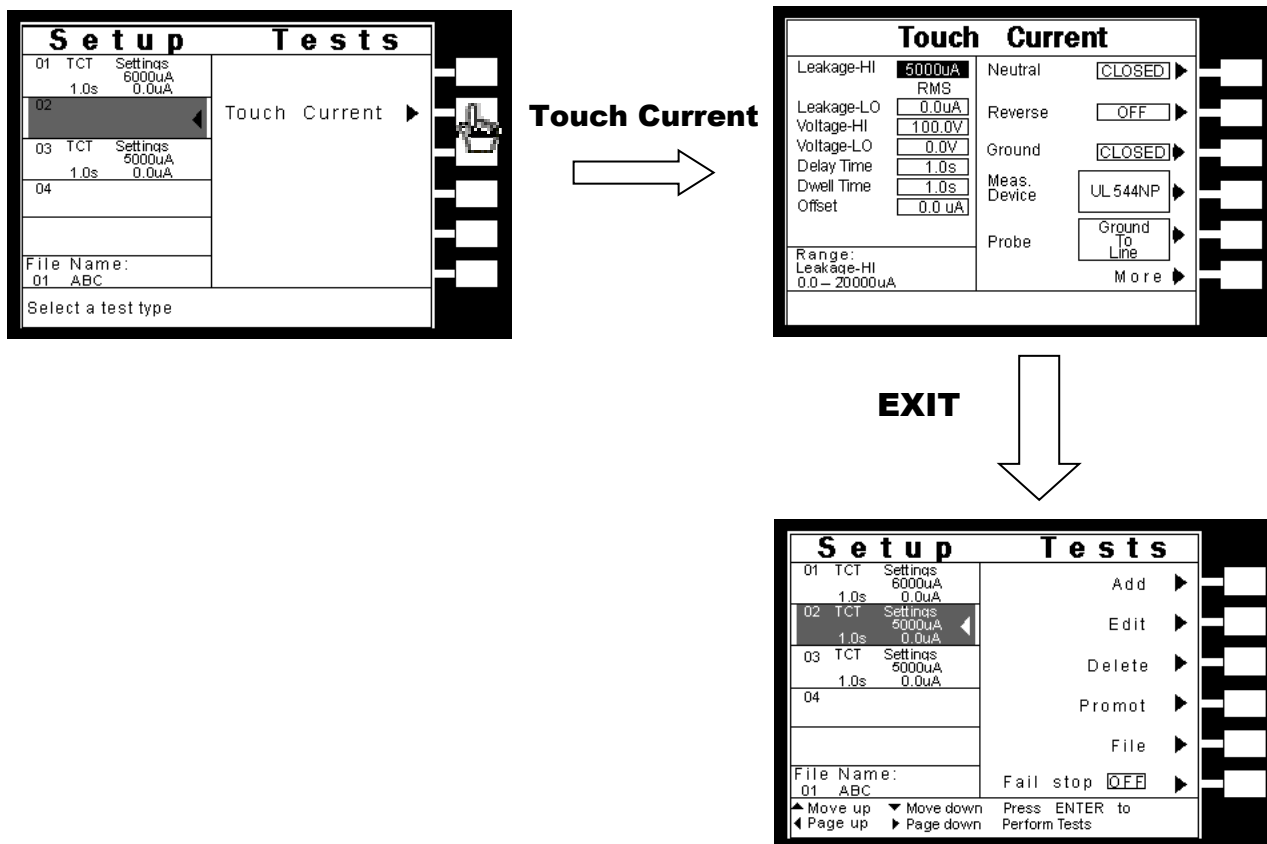
此為增加一測試步驟功能。在按 Add 鍵後，LCD 顯示器上將會顯示需設定測試的項目，標準會有“接觸電流測試 (Touch Current)”及“產品電氣性能測試 (Run Test)”兩個測試選擇項目，如下圖。



在按下“ADD”鍵之後，增加的新步驟會新增在所選擇或最後執行的步驟之前，而原步驟之後的步驟會往後遞延。例：若目前執行步驟 02，利用此功能新增一步驟，則此步驟為被儲存至步驟 02，而原步驟 02 及步驟 03、04...，會被更改編號成步驟 03、04...順延遞增。

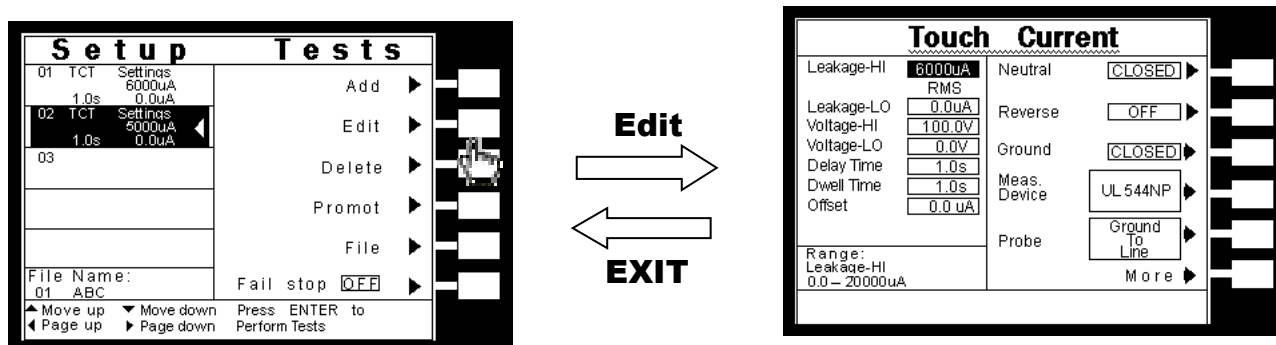
在選擇需設定測試的項目後會進入測試參數的設定，進入此設定畫面後，系統會先將新增步驟的測試參數值設定成原測試參數設定畫面所選擇步驟的設定值(例：若於測試步驟 02 下按“ADD”鍵，則新增步驟的測試參數值會同原步驟 02)，此時無論是否有變更任何參數值，只

要按下“EXIT”鍵，系統會自動儲存最後的參數值並跳回測試參數(Setup Tests)設定畫面。



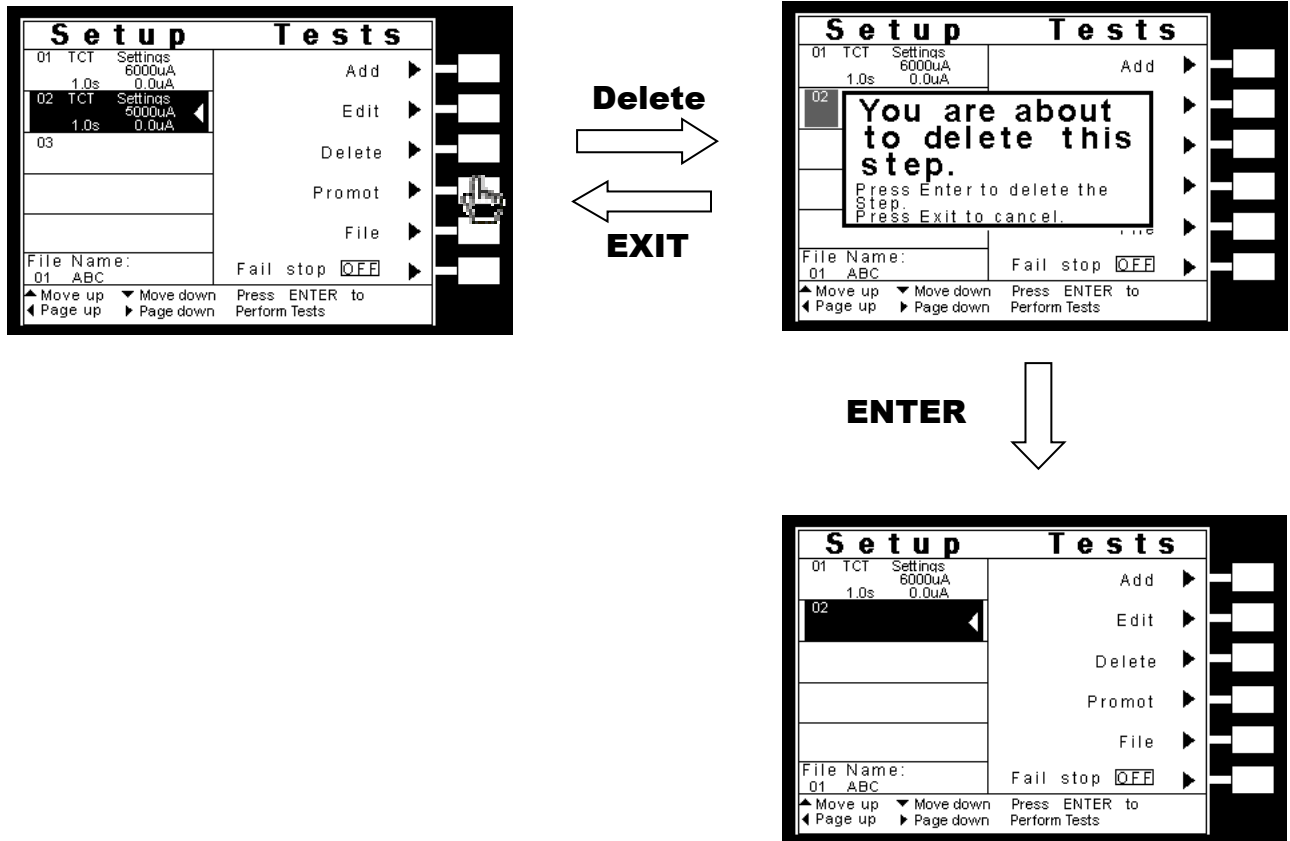
4.2.2 Edit鍵

請用面板上的“^”或“v”鍵選擇需編輯的測試項目，然後按 Edit 鍵，此時 LCD 顯示器上將會顯示目前設定的測試項目的參數值，若欲修改測試參數則可在此進行修改，如不編輯請按 EXIT 鍵即返回原先畫面，詳細的參數設定請參考 4.3 測試參數。



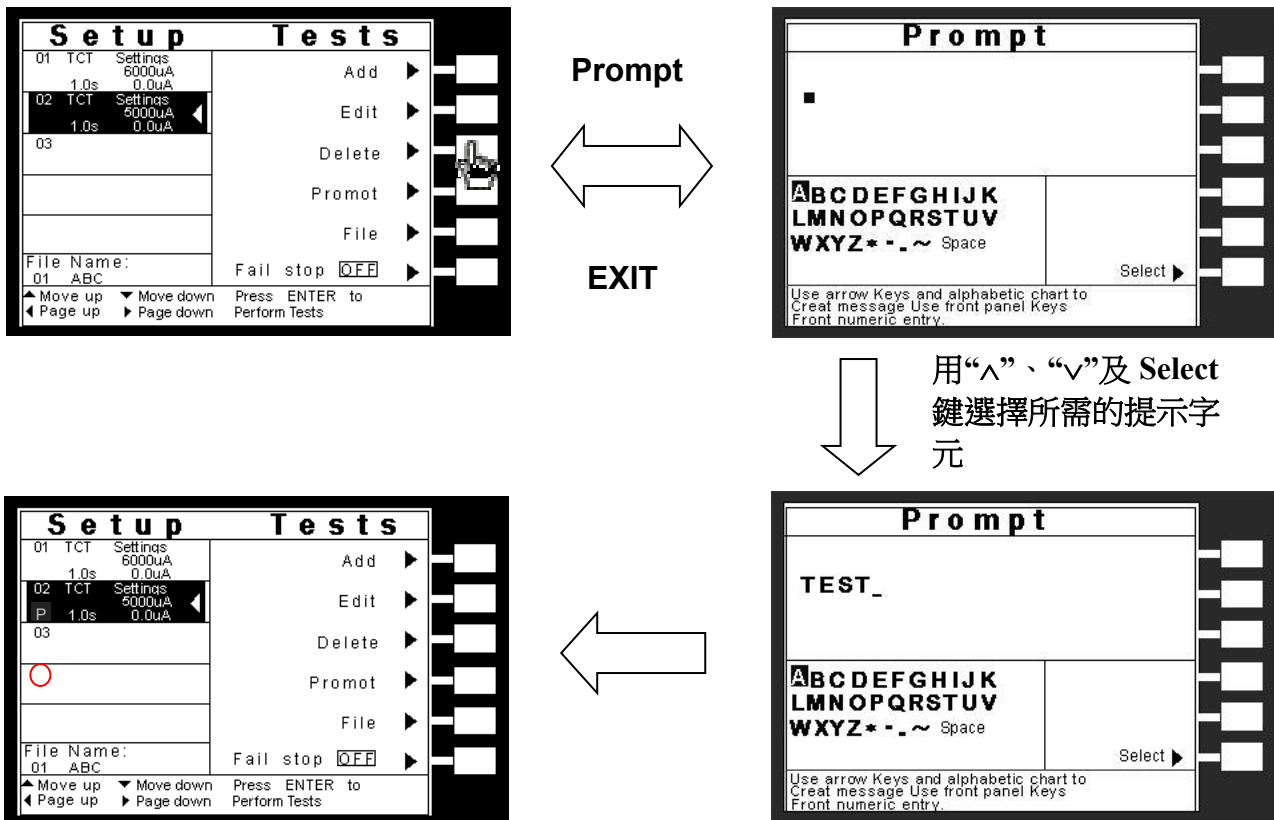
4.2.3 Delete鍵

請用面板上的“^”或“v”鍵選擇所需刪除的測試項目，然後按 **Delete** 鍵，此時 LCD 顯示器上將會顯示“**You are about to delete this step**”，如果確認無誤請按 **ENTER** 鍵刪除資料夾，如不刪除請按 **EXIT** 鍵即返回原先畫面。



4.2.4 Prompt鍵

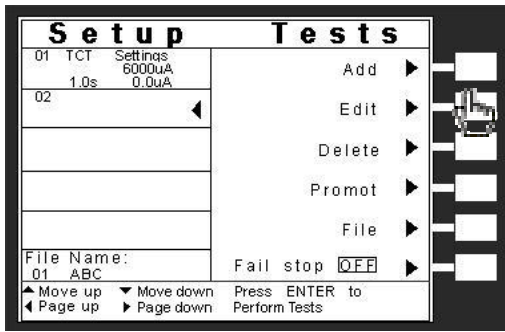
請用面板上的“^”或“v”鍵選擇所需加註記的測試項目，然後按 **Prompt** 鍵後客戶可依需求在每測試項目加提示 32 字元的註記，可使用“^”或“v”鍵選擇需設定的英文字或使用數字鍵輸入需設定的數字，將可在開始測試前顯示註記內容，設定方式如下圖(用“<--”鍵可刪除英文字、數字或位移指示)。



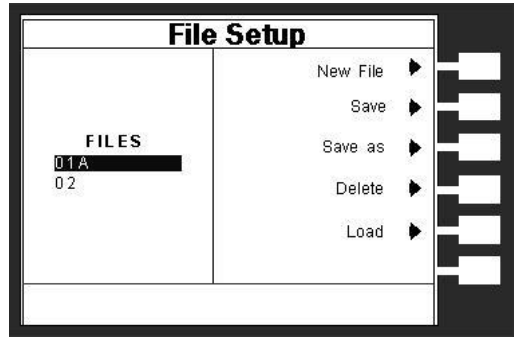
若步驟設有提示內容，則在該步驟之測試時間前面會有“P”的字樣。

4.2.5 File 鍵

請用面板上的“^”或“v”鍵選擇所需修改的資料夾檔名或新增檔名，然後按 **File** 鍵，此時 LCD 顯示器會顯示 New File(開新資料夾)、Save(儲存)、Save as(另存新檔)、Delete(刪除資料夾)及 Load(讀取資料夾參數)，如按 New File 鍵或 Save as 鍵則顯示 Create File 畫面，可使用 Select 鍵或<-鍵設定及修改檔名，如下圖顯示。



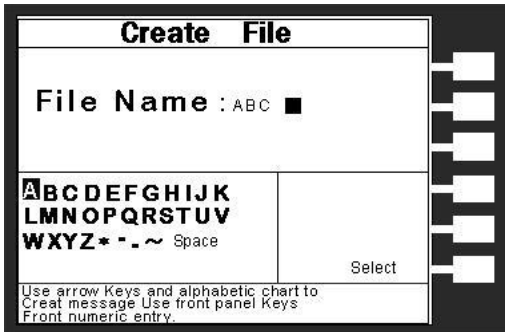
File
 ← →
 "EXIT"
 "Save"



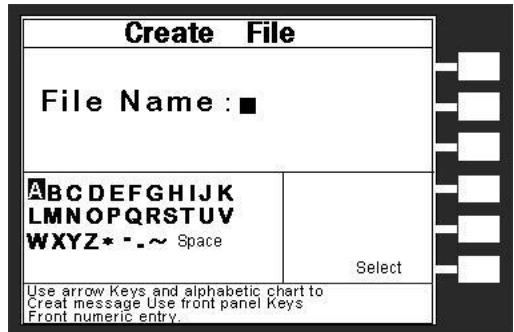
"Save as"

↑
 ENTER

↓

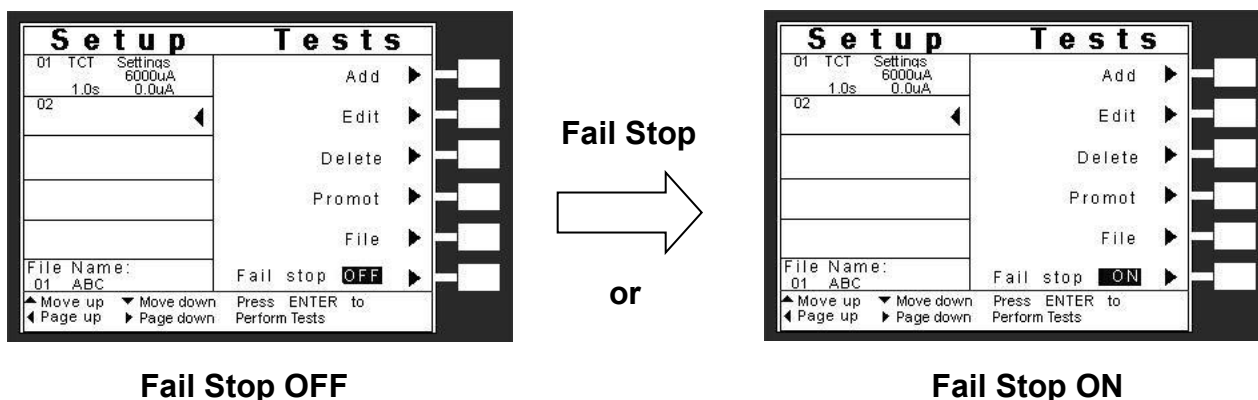


←
 "Select" or
 "<--"



4.2.6 Fail Stop鍵

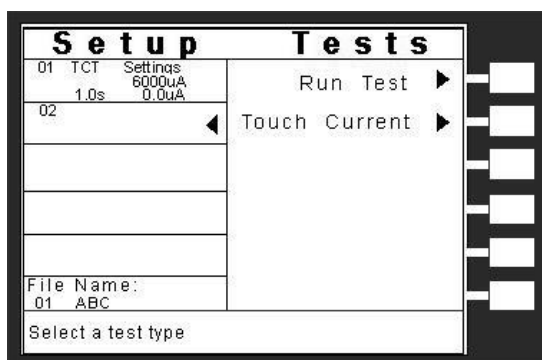
其為測試失敗停止模式設定，請用 **Fail Stop** 鍵選擇測試失敗停止的模式為 ON 或 OFF。這個功能主要用於多個測試步驟被連接成為一個測試程序組合。假如測試失敗停止模式設定為 ON，測試程序會在被測物測試失敗的步驟中停止繼續測試。如果尚有未完成的測試步驟，擬繼續完成測試，可以再按 **TEST** 開關，測試程序會往前繼續執行。如果先按 **RESET** 開關，然後再按 **TEST** 開關，測試程序會回到從第一個步驟，重新開始測試。



4.3 測試參數

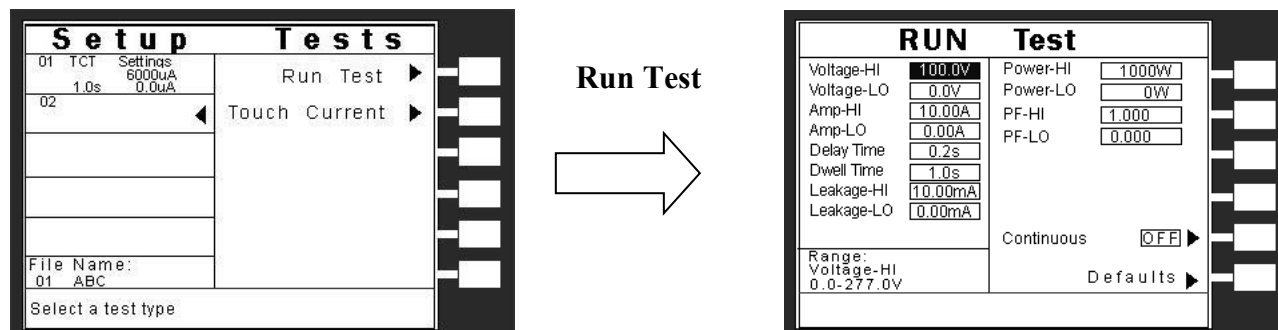
測試項目(Setup Tests)選擇

請用索引鍵上下移動選擇要作測試的項目，本儀器有接觸電流測試 (Touch Current) 、產品電氣測試 (Run Test)會有測試項目如下圖。



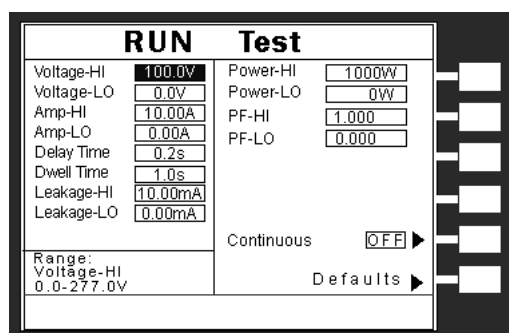
4.3.1 產品電氣測試(Run Test)設定

在測試項目(Setup Tests)選擇模式下按“Run Test”鍵後，則進入產品電氣測試設定模式，LCD 顯示器即顯示如下圖。

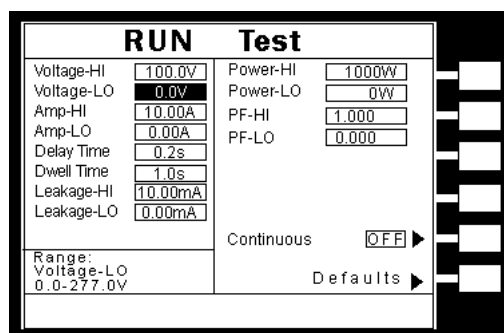


電壓上限/下限設定(Voltage-HI/Voltage-LO Setting)

請用面板上的“^”或“v”鍵移動至 Voltage-HI 或 Voltage-LO 檔位後，程式會進入電壓上限/下限設定模式。電壓上限是作為每一個測試內所能允許的待測物工作最大電壓值，超過上限值會被程式判定“測試失敗”，電壓下限是作為每一個測試內所能允許的待測物工作最小電壓值，低於下限值會被程式判定“測試失敗”，如下圖。



Voltage-HI

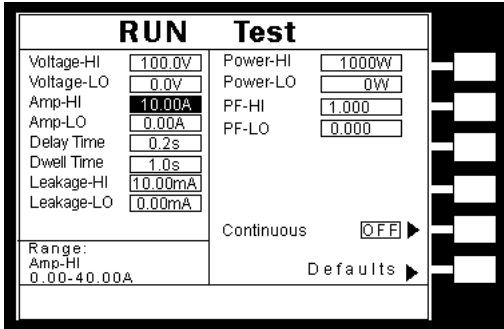


Voltage-LO

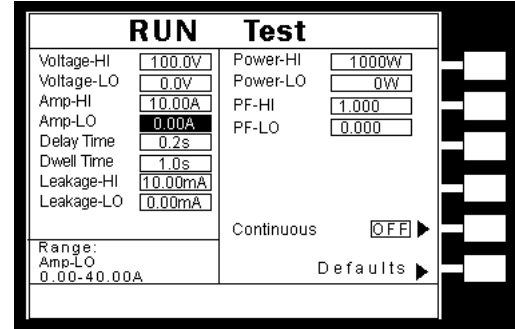
使用數字鍵輸入電壓上限值，其單位為 0.1V/step，然後再按“ENTER”鍵將設定數值存入，本儀器會自動存入所設定的電壓上限值，並跳到電壓下限設定狀態。使用數字輸入電壓下限值，然後再按“ENTER”鍵將設定數值存入，如不設定電壓下限請按“EXIT”離開。

電流上限/下限(Amp-HI/Amp-LO Setting)設定

請用面板上的“^”或“v”鍵移動至 Amp-HI 或 Amp-LO 檔位後，程式會進入電流上限/下限設定設定模式。電流上限設定是作為在執行測試內能允許的啟動待測物工作之最大電流值，超過上限值會被程式判定“測試失敗”；電流下限設定是作為在執行測試內能允許的啟動待測物工作之最小電流值，低於下限值會被程式判定“測試失敗”，如下圖。



Amp-HI

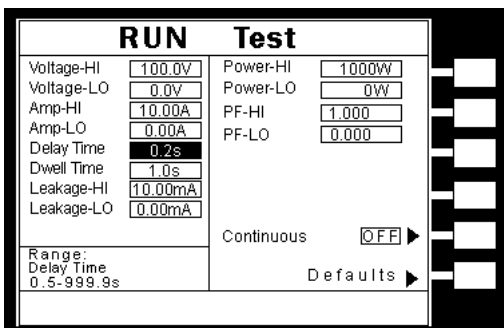


Amp-LO

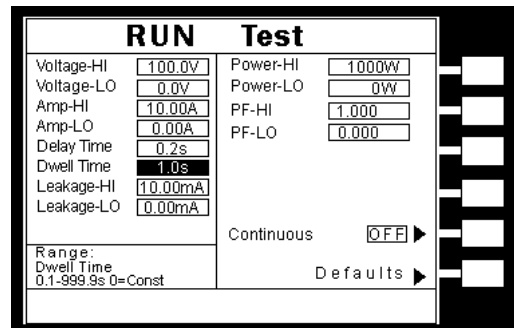
使用數字鍵輸入電流上限值，其單位為 0.01A/step，然後再按“ENTER”鍵將設定數值存入，本儀器會自動存入所設定的電流上限值，並跳到電流下限設定狀態。使用數字輸入電流下限值，然後再按“ENTER”鍵將設定數值存入，如不設定電流下限請按“EXIT”離開。

延遲時間/測試時間(Delay Time/Dwell Time)設定

請用面板上的“^”或“v”鍵移動至 Delay Time 或 Dwell Time 檔位後，程式會進入延遲時間/測試時間設定設定模式。延遲時間是作為每一個延遲時間內如待測物超過電流設定，本儀器將不會被程式判定為“測試失敗”，但待測物超過硬體保護仍會被程式判“測試失敗”。測試時間是作為每一次測試之時間設定，如下圖。



Delay Time

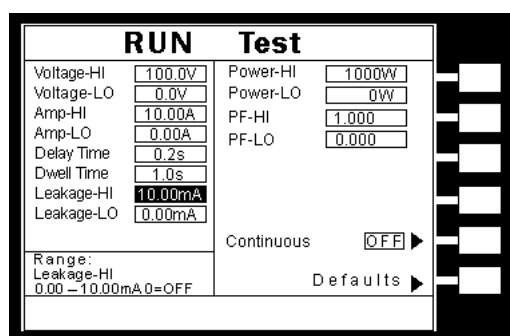


Dwell Time

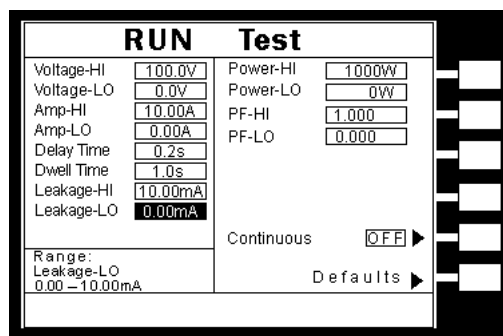
使用數字鍵輸入測試時間值，其單位為 0.1s/step，然後再按“ENTER”鍵將設定數值存入，本儀器會自動存入所設定的延遲時間值，並跳到延遲時間設定狀態。使用數字輸入測試時間值，然後再按“ENTER”鍵將設定數值存入，如不設定測試時間請按“EXIT”離開。如果測試時間設定為“0”時，程式會隨時對測試結果做出判定，同時計時器會持續計數，直到再按“Reset”開關或測試失敗時才會停止，LCD 顯示器會隨時顯示當時所讀到的測試值。如果時間設定為“0”時，計數會持續累積所測試的總時間，在達到本儀器的最大計數值後，會再由“0”開始計數。如果在測試執行中按“Reset”開關，本儀器會立即停止測試，同時將計數歸零並回到待測模式。

洩漏電流上限/下限(Leakage-HI/Leakage-LO)設定

請用面板上的“^”或“v”鍵移動至 Leakage-HI 或 Leakage-LO 檔位後，程式會進入洩漏電流上限/下限設定模式。洩漏電流上限是作為每一個測試內所能允許的待測物洩漏電流最大值，超過上限值會被程式判定“測試失敗”；洩漏電流下限是作為在執行測試內能允許的待測物洩漏電流最小值，低於下限值會被程式判定“測試失敗”，如下圖。



Leakage-HI

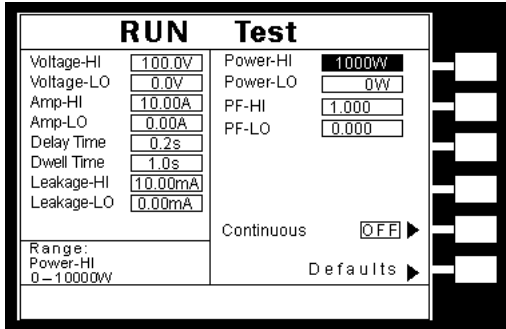


Leakage-LO

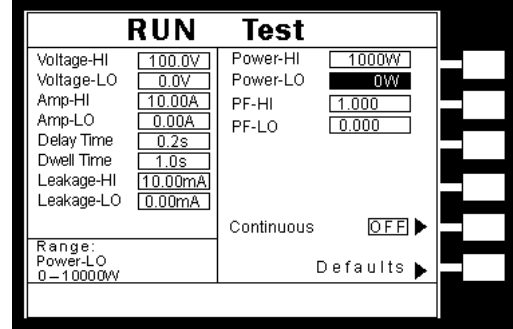
使用數字鍵輸入洩漏電流上限值，其單位為 0.01mA/step，然後再按“ENTER”鍵，將設定數值存入。本儀器會自動存入所設定的洩漏電流上限值，並跳到洩漏電流下限設定狀態，使用數字洩漏電流下限值，然後再按“ENTER”鍵，如不設定洩試電流下限請按“EXIT”離開。

功率上限/下限設定(Power-HI/Power-LO)

請用面板上的“^”或“v”鍵移動至 Power-HI 或 Power-LO 檔位後,程式會進入功率上限/下限設定模式。功率上限是作為每一個測試內所能允許的待測物消耗功率最大值, 超過上限值會被程式判定“測試失敗”。功率下限是作為在執行測試內能允許的啟動待測物工作之最小電流值, 低於下限值會被程式判定“測試失敗”, 如下圖。



Power-HI

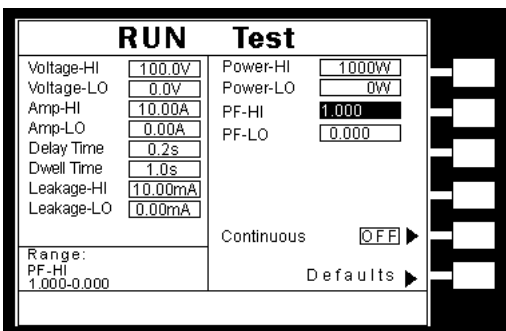


Power-LO

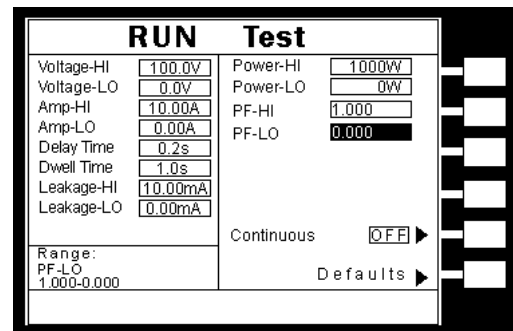
使用數字鍵輸入功率上限值, 其單位為 1W/step, 然後再按“ENTER”鍵, 將設定數值存入。本儀器會自動存入所設定的功率上限值, 並跳到功率下限設定狀態, 使用數字輸入功率下限值, 然後再按“ENTER”鍵。如不設定功率下限請按“EXIT”離開。

功率因數上限/下限(PF-HI/PF-LO)設定

請用面板上的“^”或“v”鍵移動至 PF-HI 或 PF-LO 檔位後,程式會進入功率上限/下限設定模式, 功率因數上限是作為每一個測試內所能允許的待測物消耗效率最大值, 超過上限值會被程式判定“測試失敗”。功率因數下限是作為在執行測試內能允許的待測物消耗效率最小值, 低於下限值會被程式判定“測試失敗”, 如下圖。



PF-HI



PF-LO

使用數字鍵輸入功率因數上限值, 其單位為 0.001/step, 然後再按“ENTER”鍵, 將設定數值存入。本儀器會自動存入所設定的功率因數上限值, 並跳到功率因數下限設定狀態, 使用數字

輸入功率因數下限值，然後再按“ENTER”鍵。如不設定功率因數下限請按“EXIT”離開。

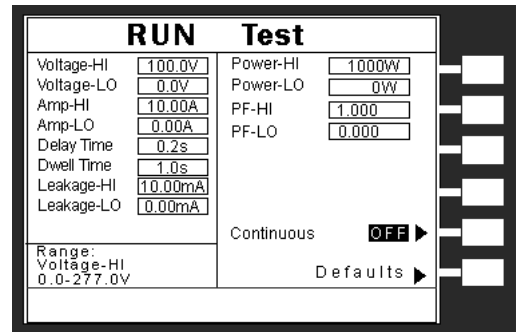
電源持續輸出模式(Continuous)設定

電源持續輸出模式設定為利用“Countinuous”鍵切換設定電源輸出模式為“ON”或“OFF”。

當 Continuous 設為“ON”，在做步驟連結測試時，若連續兩個步驟為同一個工作電源狀態時，則在前一個步驟測試完成後會持續輸出進行下一個測試步驟。

- 若連續兩個步驟非同一個工作電源狀態時，在前一個步驟測試完成後會先停止輸出，然後重新啟動輸出繼續下一個測試步驟。
- 若單一步驟連結(Single Step) 設為“ON”，電源持續輸出功能會被限制在測試結束後 5 秒停止輸出。

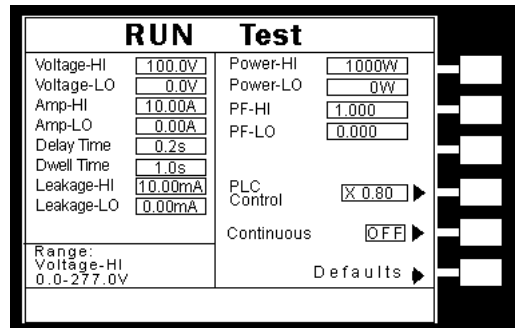
當 Continuous 設為“OFF”，在做步驟連結測試時，不論連續兩個步驟是否為同一個工作電源狀態，在前一個步驟測試完成後都會先停止輸出，然後重新啟動輸出繼續下一個測試步驟。



遠端控制電源輸出(PLC Control)設定(選購)

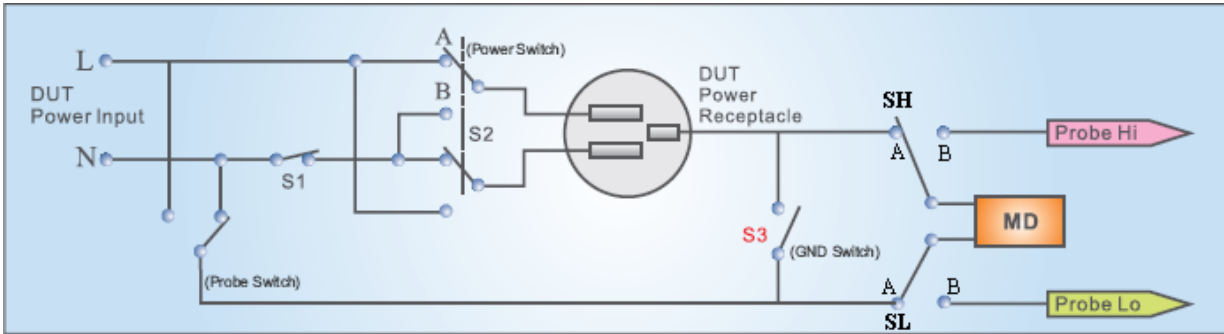
此功能為設定遠端控制待測物的測試輸入電源，須搭配華儀電子交流電源供應器 6600 系列和 6700 系列。

當選購為交流電源供應器，則有 M1~M7 七個記憶組選項可供選擇



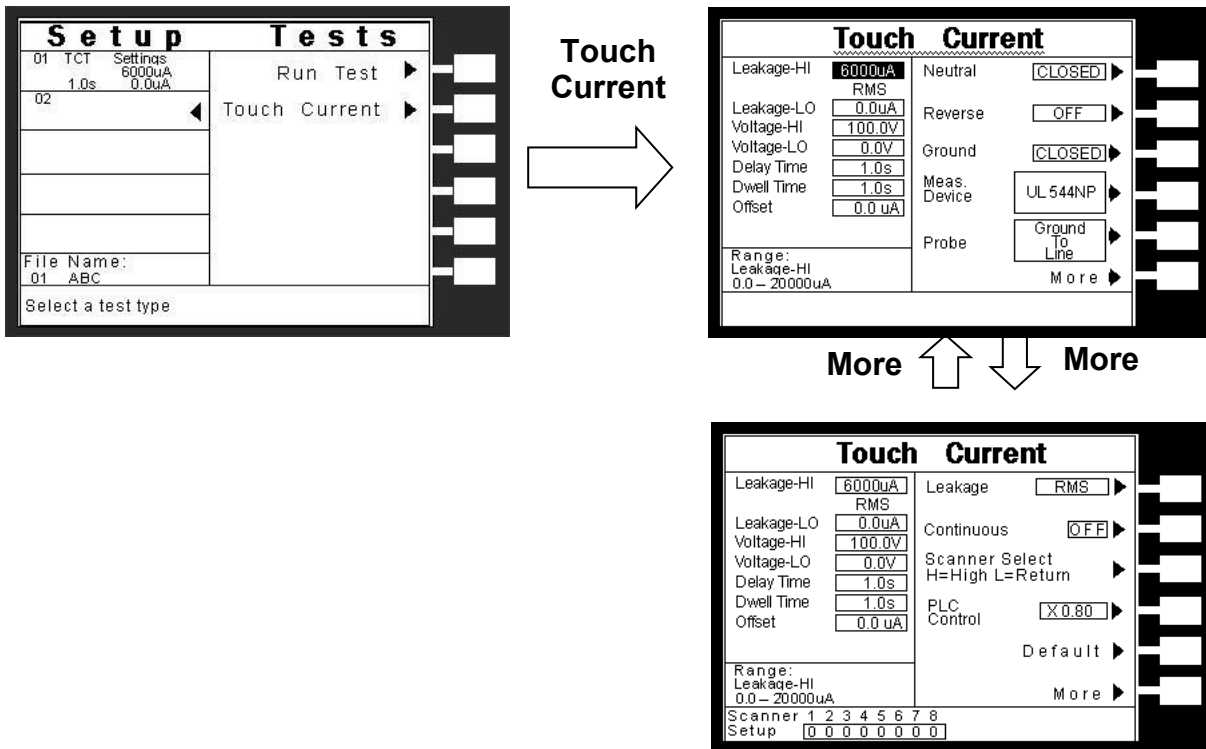
待測物工作電源狀態(Line Configuration)

工作電源狀態是由開關 S1、S2 和 S3 來決定，如圖所示。若無搭配 Hipot 測試，在 POWER ON 未測試時，DUT Power Input 會開路；而若搭配 Hipot 測試，在 POWER ON 未測試時，S2 會固定為測 H.V.的狀態，待按下“TEST”鍵 S2 由 A 切至 B，S3 也動作，判斷 LEAKAGE 是過載，如有異常現象，立即停止之後動作。然後 S1 動作，判斷 DUT 是否過載，如有異常現象，立即停止，如下圖。



4.3.2 接觸電流測試(Touch Current)設定

在測試項目(Setup Tests)選擇模式下按 Touch Current 鍵後，則進入接觸電流測試設定模式，LCD 顯示器即顯示如下圖。

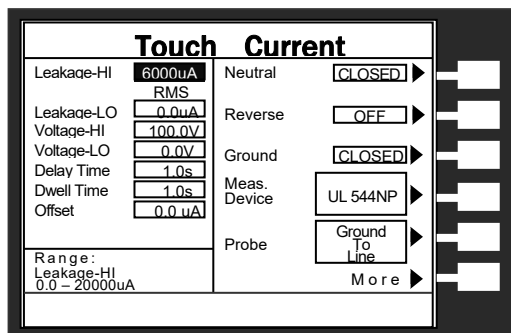


接觸電流測試的參數設定是使用“√”、“^”鍵作為選擇參數項目的操作鍵。每按一次則進入下一個參數項目，其設定項目依序為：洩漏電流上限 (Leakage-HI)、洩漏電流下限 (Leakage-LO)、電壓上限 (Voltage-HI)、電壓下限 (Voltage-LO)、延遲時間(Delay Time)、測試時間(Dwell Time)、漏電流歸零(Offset)、待測物工作電源狀態設定(NEUTRAL、REVERSE、GROUND)、人體阻抗模型(Measuring Device)、測試棒選擇(Probe)、洩漏電流模式(Leakage)、電源持續輸出模式(Continuous)、遠端控制(PLC Control)、及矩陣式掃描器設定(Scanner Select)，其中遠端控制(PLC Control)、及矩陣式掃描器設定(Scanner Select)為選購項目，若無選購該功能則 7630 畫

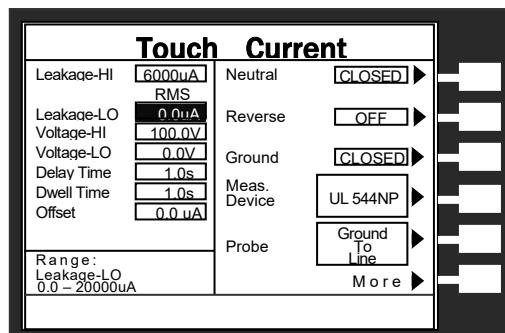
面不會顯示該功能項目。

洩漏電流上限/下限(Leakage-HI/Leakage-LO)設定

請用面板上的“^”或“v”鍵移動至 Leakage-HI 或 Leakage-LO 檔位後，程式會進入洩漏電流上限/洩漏電流下限設定設定模式。洩漏電流上限是作為每一個測試內所能允許的待測物洩漏電流最大值，超過上限值會被程式判定“測試失敗”。洩漏電流下限是作為在執行測試內能允許的待測物洩漏電流最小值，低於下限值會被程式判定“測試失敗”，如下圖。



Leakage-HI

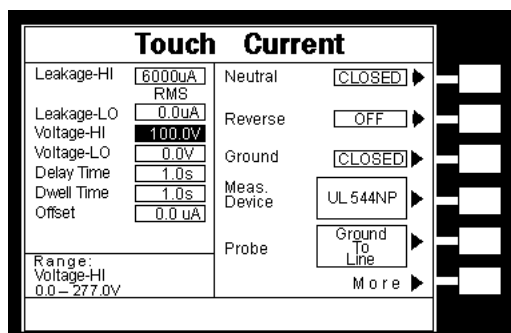


Leakage-LO

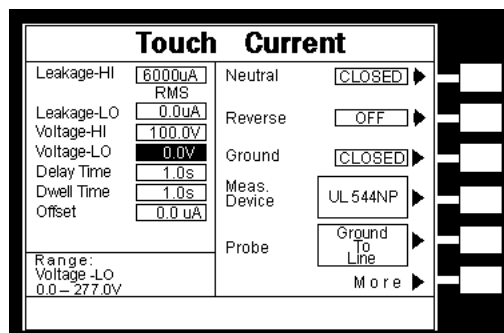
使用數字鍵輸入洩漏電流上限值，其單位為 1 μ A/step，然後再按“ENTER”鍵，將設定數值存入。本儀器會自動存入所設定的洩漏電流上限值，並回到待測模式等待執行下一個步驟。如果洩漏電流上限值被設定為“0”時，程式將不對量測值做出任何判定。

電壓上限/下限 (Voltage-HI/Voltage-LO)設定

請用面板上的“^”或“v”鍵移動至 Voltage-HI 或 Voltage-LO 檔位後，程式會進入電壓上限/下限設定模式。電壓上限是作為每一個測試內所能允許的待測物工作最大電壓值，超過上限值會被程式判定“測試失敗”。電壓下限是作為每一個測試內所能允許的待測物工作最小電壓值，低於下限值會被程式判定“測試失敗”，如下圖。



Voltage-HI



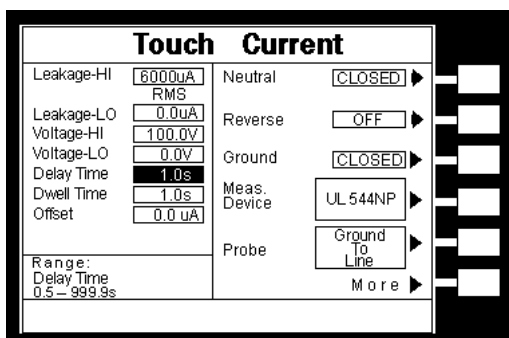
Voltage-LO

使用數字鍵輸入電壓上限值，其單位為 0.1V/step，然後再按“ENTER”鍵，將設定數值存入。

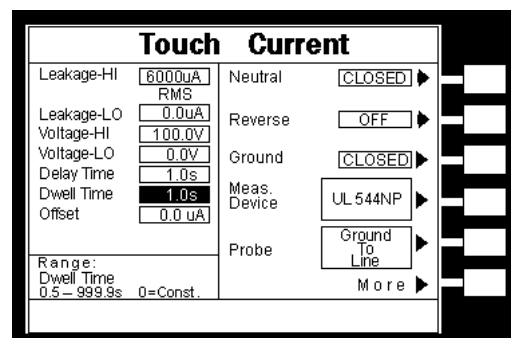
本儀器會自動存入所設定的電壓上限值，並跳到電壓下限設定狀態，使用數字輸入電壓下限值，然後再按“ENTER”鍵。如不設定電壓下限請按“EXIT”離開。

延遲時間/測試時間(Delay Time/Dwell Time)設定

延遲時間設定是作為本儀器在執行洩漏電流上限判定的時間依據，也就是本儀器應該在何時將讀值與設定值做比較並且作出判定。因為待測物大多數都具有電容性(Capative)而產生充電電流，判定延遲時間可以讓本儀器在充電電流穩定之後，才做判定。判定延遲的時間必須依據待測物的電容性大小，作為設定的參考和依據；測試時間是作為每一次測試之時間設定，如下圖。



Delay Time



Dwell Time

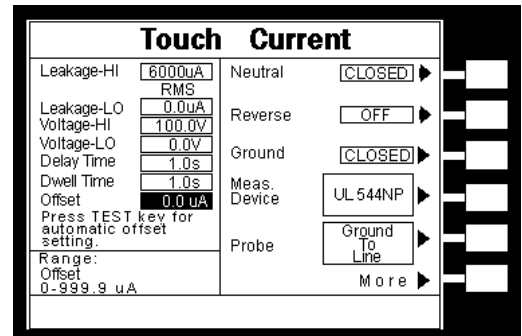
使用數字鍵輸入延遲時間值或測試時間值，其單位為 0.1 sec/step，然後再按“ENTER”鍵，將設定數值存入。本儀器會自動存入所設定的時間值，並回到待測模式等待執行下一個步驟，如不設定測試時間請按“EXIT”離開。

如果測試時間設定為“0”時，程式會隨時對測試結果做出判定，同時計時器會持續計數，直到再按“Reset”開關或測試失敗時才會停止，LCD 顯示器會隨時顯示當時所讀到的測試值。如果時間設定為“0”時，計數會持續累積所測試的總時間，在達到本儀器的最大計數值後，會再由“0”開始計數。如果在測試執行中按“Reset”開關，本儀器會立即停止測試，同時將計數歸零，並回到待測模式。

漏電流歸零(Offset)設定

請用面板上的“^”或“v”鍵移動至 **Offset** 檔位後，程式會進入漏電流歸零設定模式，此時可手動輸入歸零 (OFFSET)數據；或按“TEST”做自動偵測 Offset 值。

註：顯示器上洩漏電流顯示值為 $\sqrt{\text{讀值}^2 - \text{OFFSET}^2}$ 。



Offset 量測說明：

1. 當 **RVERSE 設為“ON”**時，無論手動輸入或自動偵測 Offset 值，Offset 項目顯示為 ON 線路的 Offset 值，而洩漏電流顯示值為 $\sqrt{\text{讀值}^2 - \text{OFFSET}^2}$ 。
2. 當 **RVERSE 設為“ AUTO”**，無論手動輸入或自動偵測 Offset 值，Offset 項目永遠只顯示 RVERSE 為 **OFF** 線路的 Offset 值並儲存 ON 線路的 Offset 值於記憶體，但洩漏電流顯示為 $\sqrt{\text{讀值}^2 - \text{OFFSET}^2}$ 之後的最大洩漏電流值。

例：若 Offset 為自動偵測，按下 TEST 鍵偵測到“ON”線路之 Offset 值為 5.0uA，而“OFF”線路之 Offset 值為 10.0uA，**“Offset” 項目會顯示“OFF” 線路之值** 10.0uA。

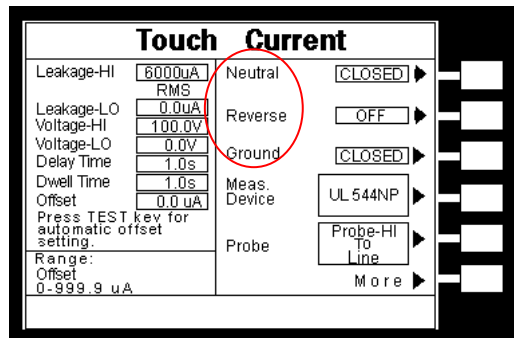
此時若於“OFF”線路偵測到 140.0uA 之洩漏電流值，則此線路之洩漏電流應為 139.6uA ($\sqrt{140^2 - 10^2}$)；若於“ON”線路偵測到 145.0uA 之洩漏電流此線路之洩漏電流應為 144.9uA ($\sqrt{145^2 - 5^2}$)，但 **7630 只顯示最大洩漏電流值**，故測試結果洩漏電流顯示應為 ON 線路之 144.9uA。

3. 若 **RVERSE 設為“OFF”，而 Probe 設為“ AUTO”**時，無論手動輸入或自動偵測 Offset 值，系統會各偵測一次 Probe 於“A”及 “B”線路之洩漏電流，並將洩漏電流值儲存於記憶體，在執行測試後顯示器僅會顯示扣除 Offset 值之後的最大洩漏電流值。

例：若手動輸入 Offset 值為 10.0uA，則不論於“A”或“B”線路，系統都會判定 Offset 值為 10.0uA。若於“A”線路偵測到 140.0uA 之洩漏電流，則洩漏電流為 139.6uA ($\sqrt{140^2 - 10^2}$)；於“B”線路偵測到 150.0uA 之洩漏電流，則洩漏電流為 149.7uA ($\sqrt{150^2 - 10^2}$)，**7630 只顯示最大洩漏電流值**，所以測試結果洩漏電流顯示為“B”線路之 149.7uA。

待測物工作電源狀態設定(NEUTRAL; REVERSE; GROUND)

工作電源狀態是由開關 S1、S2 和 S3 來決定。這三個開關可以有八種組合狀態，這三個開關的狀態是由 LCD 顯示器右邊的“Neutral”、“Reverse”以及“Ground”等三個功能鍵所代表，如右圖。(NEUTRAL 代表 S1 開關，REVERSE 代表 S2 開關，而 GROUND 則代表 S3 開關。)



要改變待測物的工作電源狀態(Line Configuration), 請按面板上的 NEUTRAL、REVERSE 及 GROUND 功能

鍵做切換 NEUTRAL和GROUND 有“CLOSED”及“OPEN”兩種選項而 REVERSE有“OFF”、“ON”及“AUTO”三種選項，當 REVERSE 設為 **AUTO** 時，在按下“TEST”開關執行測試，系統會偵測 S2 開關於 ON 及 OFF 狀態下線路之漏電流值，然後取較大者。

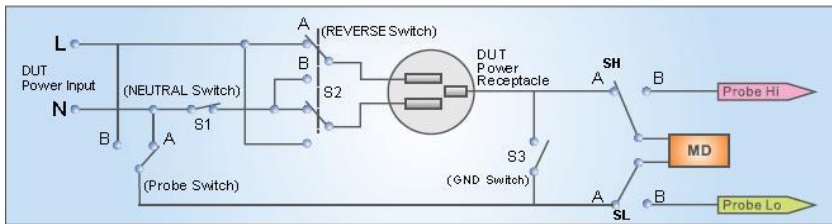
在選擇到所需要的工作電源狀態後，不須按任何其他按鍵或開關，即可按“TEST”開關執行測試，程式會自動將所選擇的工作電源狀態存入程式記憶組內。待測物的工作電源共有十二種設定、八種狀態如下面表列。

待測物的工作電源設定表：

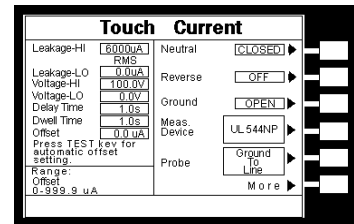
STEP	NEUTRAL	REVERSE	GROUND	待測物工作 電源狀態
	開關 S1	開關 S2	開關 S3	
1	CLOSED	A (OFF)	OPEN	狀態 1
2	CLOSED	B (ON)	OPEN	狀態 2
3	OPEN	A (OFF)	OPEN	狀態 3
4	OPEN	B (ON)	OPEN	狀態 4
5	CLOSED	A (OFF)	CLOSED	狀態 5
6	CLOSED	B (ON)	CLOSED	狀態 6
7	OPEN	A (OFF)	CLOSED	狀態 7
8	OPEN	B (ON)	CLOSED	狀態 8
9	CLOSED	AUTO	OPEN	狀態 1 & 2
10	OPEN	AUTO	OPEN	狀態 3 & 4
11	CLOSED	AUTO	CLOSED	狀態 5 & 6
12	OPEN	AUTO	CLOSED	狀態 7 & 8

八種狀態電源如下：

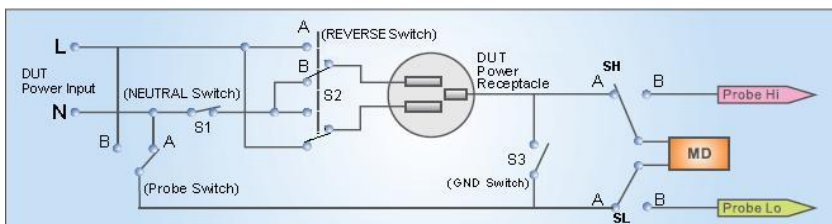
1. 狀態 1: S1: CLOSED、 S2: A 、 S3: OPEN



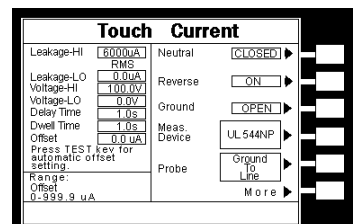
被測物狀態: 正常



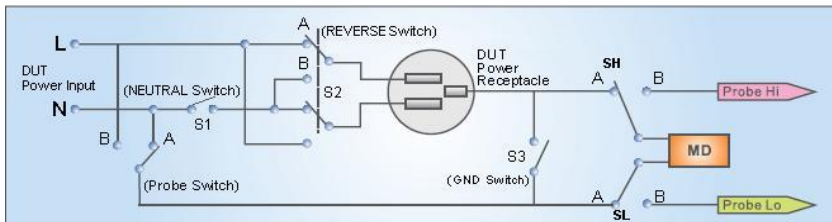
2. 狀態 2: S1: CLOSED、 S2: B、 S3: OPEN



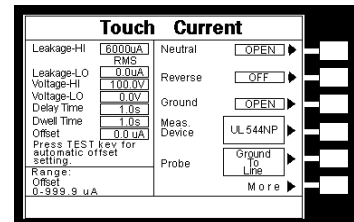
被測物狀態: L/N 反向



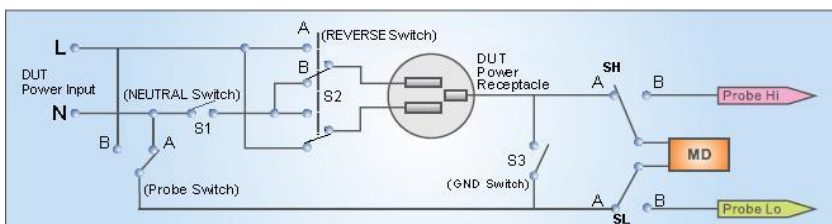
3. 狀態 3: S1: OPEN、 S2: A、 S3: OPEN



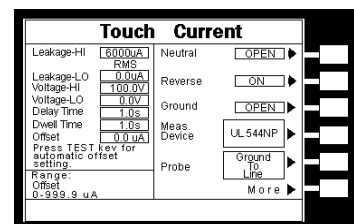
被測物狀態: 單一故障 (對 N 線 Single Fault to Neutral)



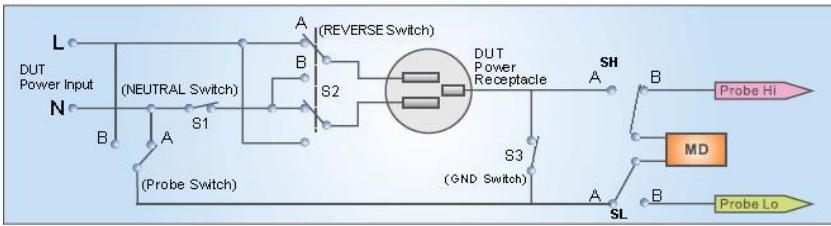
4. 狀態 4: S1: OPEN、 S2: B、 S3: OPEN



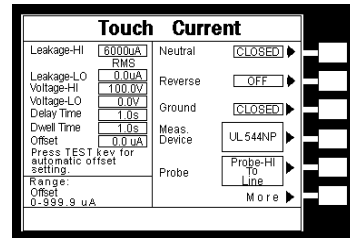
被測物狀態: 單一故障、L/N 反向 (對 L 線 Single Fault to Line)



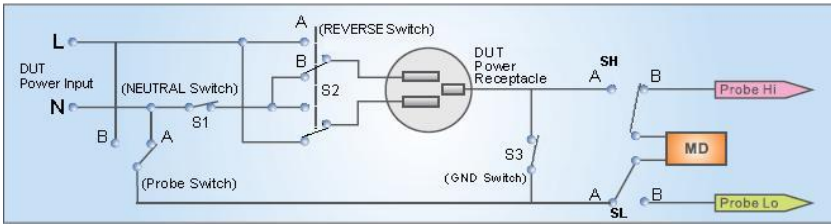
5. 狀態 5: S1: CLOSED、S2: A、S3: CLOSED



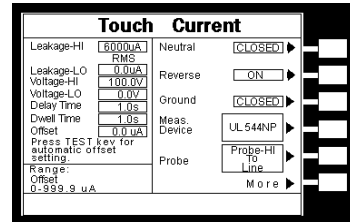
被測物狀態: 正常



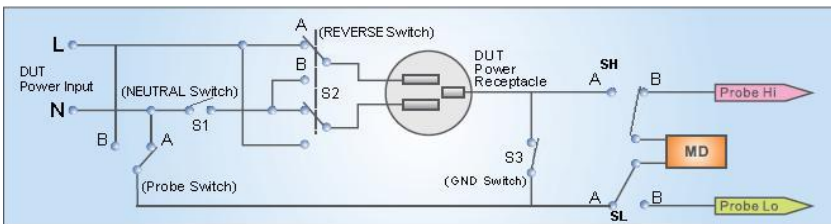
6. 狀態 6: S1: CLOSED、S2: B、S3: CLOSED



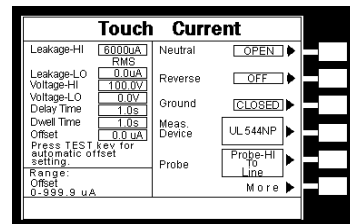
被測物狀態: L/N 反向



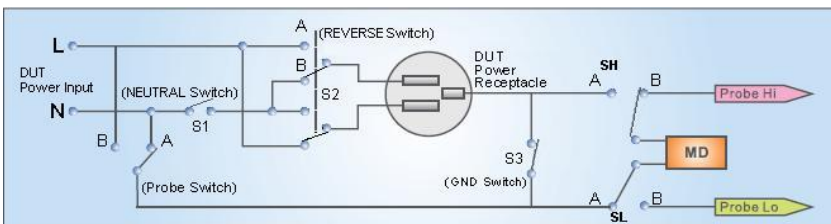
7. 狀態 7: S1: OPEN、S2: A、S3: CLOSED



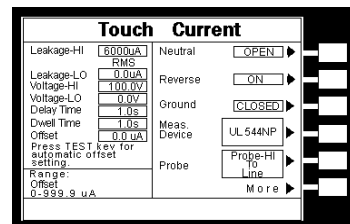
被測物狀態: 單一故障 (對 N 線 Single Fault to Neutral)



8. 狀態 8: S1: OPEN、S2: B、S3: CLOSED



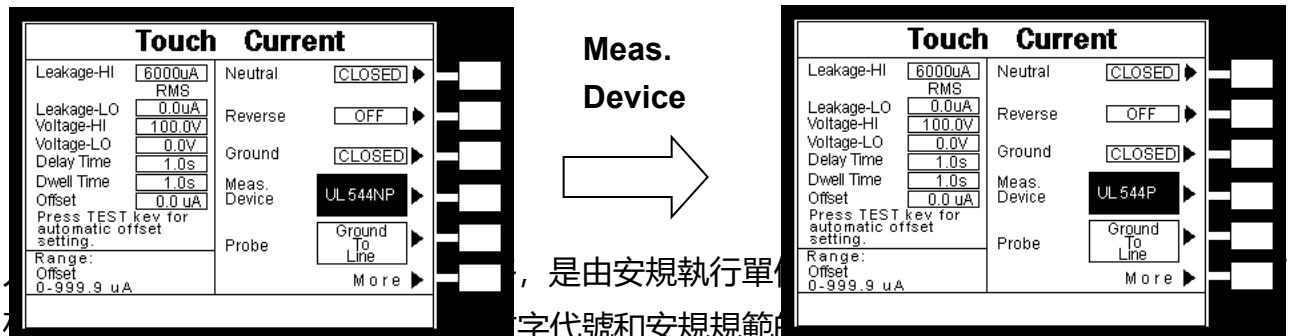
被測物狀態: 單一故障、L/N 反向 (對 L 線 Single Fault to Line)



人體阻抗模型選擇(Meas. Device)

如果要選擇人體阻抗模型，請按面板上的“Meas. Device”功能鍵。每按一次“Meas. Device”功能鍵，會依序由 UL544NP 前進到 UL544P.....，前進到 Frequency Check 後，再按“Meas. Device”功能鍵會循環回到 UL544NP。當選擇到所需要的人體阻抗模型後，不須按任何其他

按鍵或開關，程式會自動將所選擇的人體阻抗模型狀態存入程式記憶組內，如下圖。



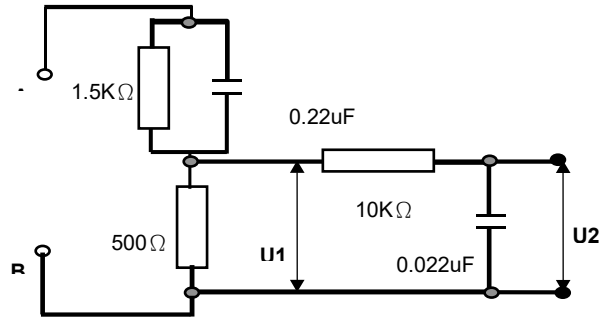
MD	GPIB / RS-232 指令	安規規範	用途
MD1	EM4 (U2) EM5 (U1)	IEC60990(Fig 4 U1 & U2)、IEC60598-1、IEC60950-1、IEC60065、IEC61010、IEC60335-1、IEC62368	燈具、實驗、音頻 & 視頻類、及資訊設備
MD2	EM6 (U3) EM7 (U1)	IEC60990(Fig 5 U1 & U3) , IEC60598-1、IEC62368	
MD3	EM2	IEC60601-1	醫療儀器及設備
MD4	EM1	UL544P	醫療儀器及設備
MD5	EM0	UL544NP、UL484、UL923、UL471、UL867、UL697	醫療儀器及設備
MD6	EM3	UL1563	電氣設備及其組裝品
MD7		IEC60950、IEC61010-1 Fig A.2 (2Kohm)	資訊、實驗設備
External	EM8	External	外接人體阻抗模型
Frequency Check	EM9	Frequency Check	確認 7630 接觸電流量測頻寬

註：如果選購有 OPT.754 High Measurement Range 35mArms / 75mApeak & 4MDs，則無 MD4 及 MD6 線路。

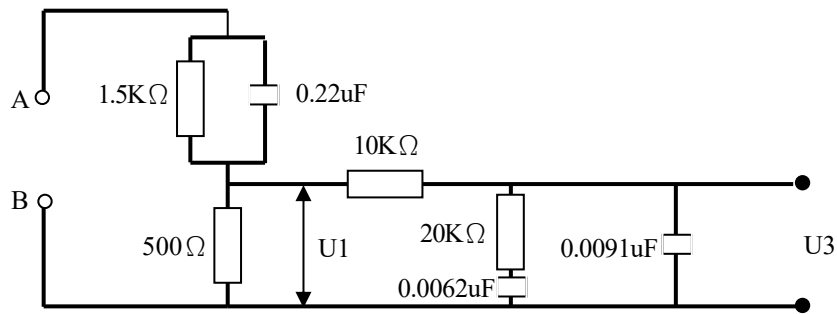
MD 線路圖

下列線路圖為各種測人體阻抗模型的等效電路，洩漏電流的讀值為在量測網路上的電壓降除以等效的直流電阻值。電壓錶被接在人體阻抗模型 3、4、5、6 及 7 整個量測網路的 A、B 兩端，人體阻抗模型 1 是被接在圖上的 U1 或 U2 的兩端，及人體阻抗模型 2 是被接在圖上的 U1 或 U3 的兩端，這是安規執行單位指定使用於這種特殊人體阻抗模型的量測方式。

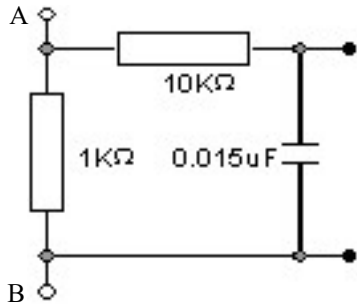
MD 1: IEC60990(Fig 4 U1 & U2)、IEC60950-1、IEC60598-1、IEC60065、IEC61010、IEC62368



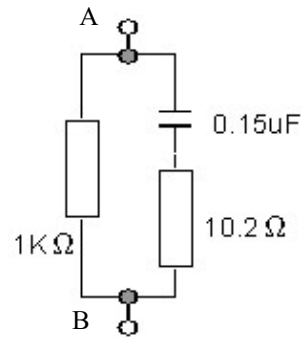
MD2: IEC60990(Fig 5 U1 & U3) , IEC60598-1、IEC62368



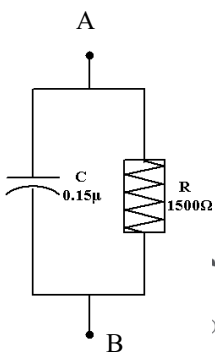
MD3: IEC60601-1



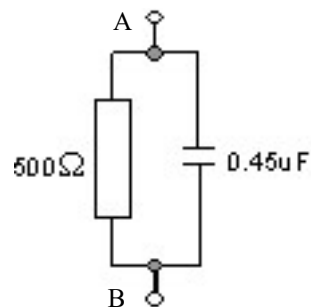
MD4: UL544P



MD5: UL544NP、UL484、UL923、UL471、
UL867、UL697

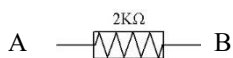


MD6: UL1563



**MD7: IEC60950、IEC61010-1 Fig A.2
(2Kohm) for RUN Test MD Circuit**

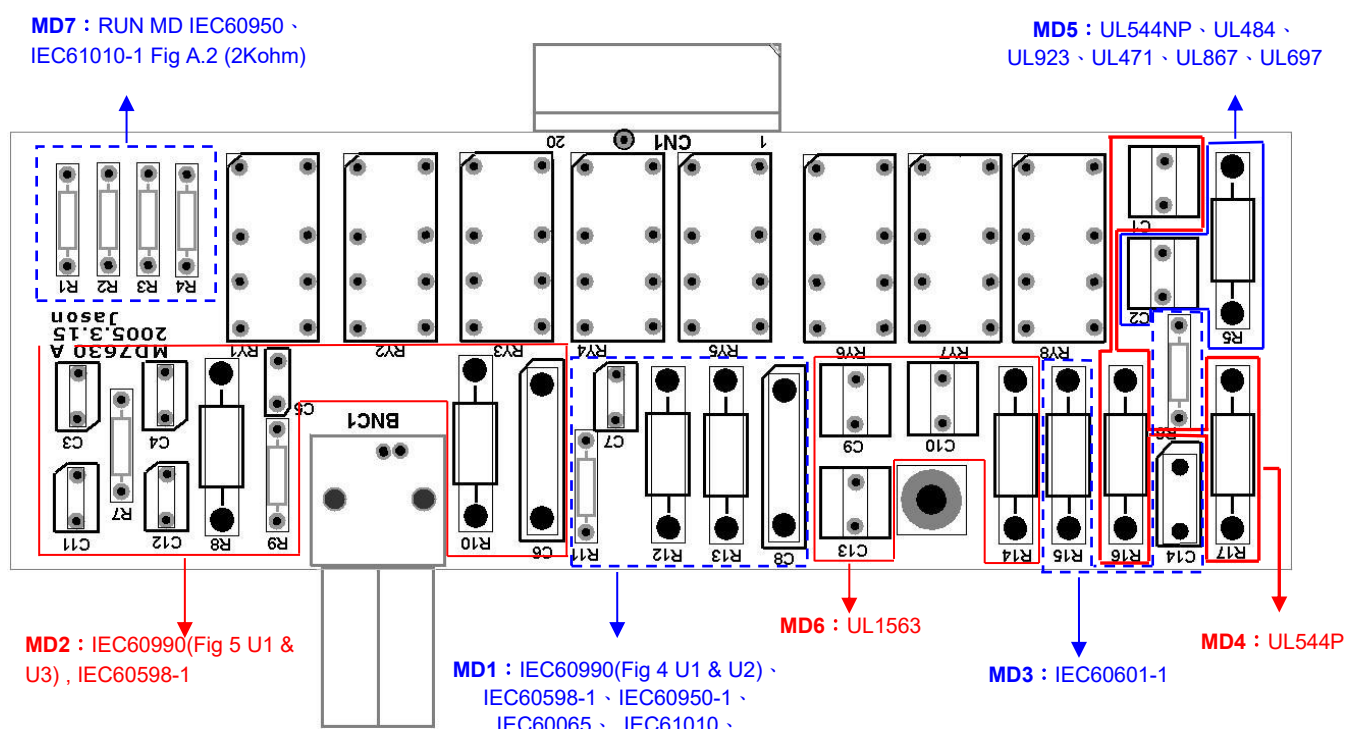
External MD(Optional)



漏電流錶頻寬檢查(Frequency Check)

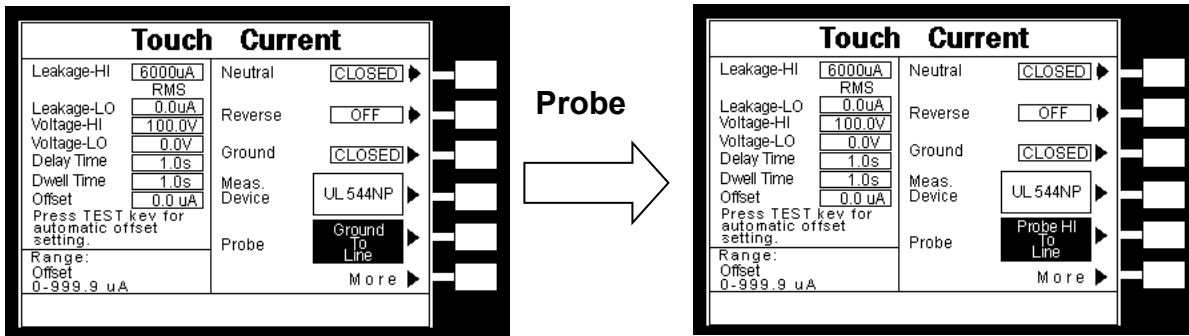
如果測試棒選擇 Probe-HI To Probe-LO，人體阻抗模型選擇 Frequency Check，此時內定 MD 阻抗為 1KΩ，可以使用兩個測試棒直接接上信號產生器及標準電壓錶，可檢查本儀器頻寬。

MD 區塊圖



測試棒選擇(Probe)

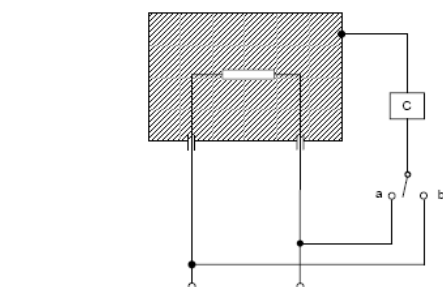
如果要測試棒的選擇，請按面板上的“PROBE”功能鍵。每按一次 PROBE 功能鍵，會依照上面表列的狀態順序前進一位，前進到最後一種狀態後，會循環回到第一種狀態，如下圖。當選擇到所需要的測試棒後，不須按任何其他按鍵或開關，程式會自動將所選擇的測試棒狀態存入程式記憶組內。



測試棒的選擇是由開關 SH、SL 和 Probe Switch 來控制，而其面板的設定選項會因 REVERSE 設定而有所不同，共有五種設定及四種洩漏電流量測。下表為測試棒選擇(Probe) 的設定說明：

Probe 設定	開關位置				洩漏電流量測	備註
	SH	SL	Probe Switch	GND		
Ground To Line	A	A	A	Closed/Open 可選擇	對地漏電流 (Earth Leakage Current)	
Probe-HI To Line	B	A	A	Closed/Open 可選擇	表面對地漏電流 (Surface to Line Leakage Current)	
Probe-HI To Probe-LO	B	B	A	Closed/Open 可選擇	表面間漏電流 (Surface to Surface Leakage Current)	
Ground To Neutral	A	A	B	固定為 Open	對地漏電流 (Earth Leakage Current)	當 REVERSE 功能設為“ON”及“AUTO”無此功能選項
AUTO	A	A	A、B 各一次	固定為 Open	對地漏電流(Earth Leakage Current) Ground To Line & Ground To Neutral	當 REVERSE 功能設為“ON”及“AUTO”無此功能選項

註：當 SH 及 SL 開關皆位於 A 位置時，Probe Switch 開關線路是屬於 IEC 60335-1 Fig.2 的應用。



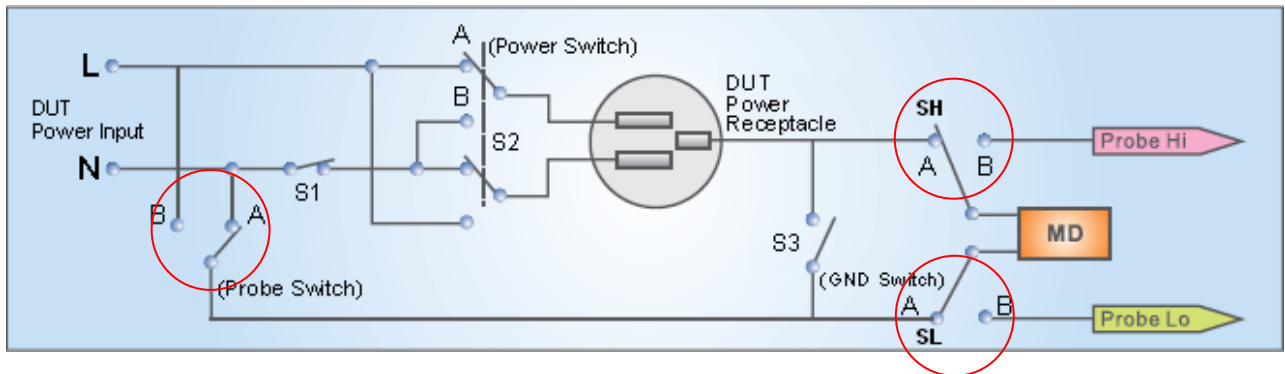
Key
C Circuit of figure 4 of IEC 60950

Figure 2 – Circuit diagram for leakage current measurement at operating temperature for single-phase connection of appliances, other than those of class II

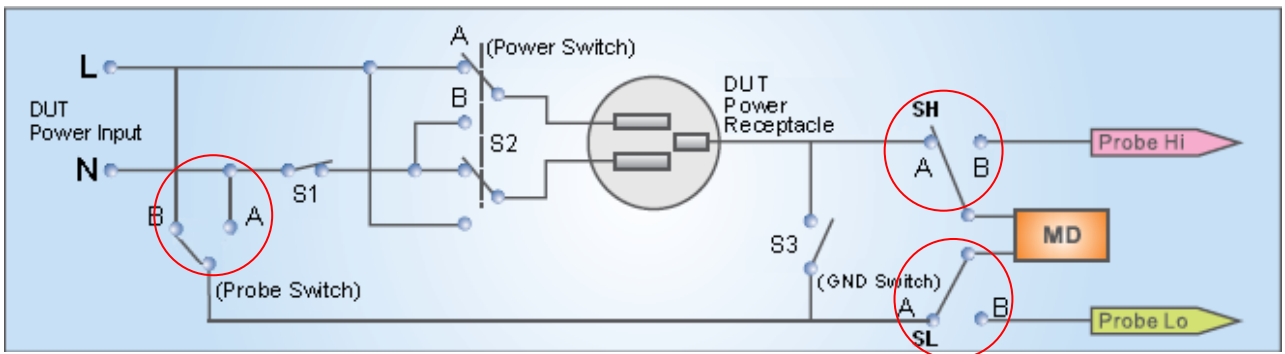
當 Probe 設定為 AUTO 時，其為系統會各測試一次 Probe Switch 開關於 A 及 B 位置下之漏電流值，然後取較大者。

洩漏電流量測線路

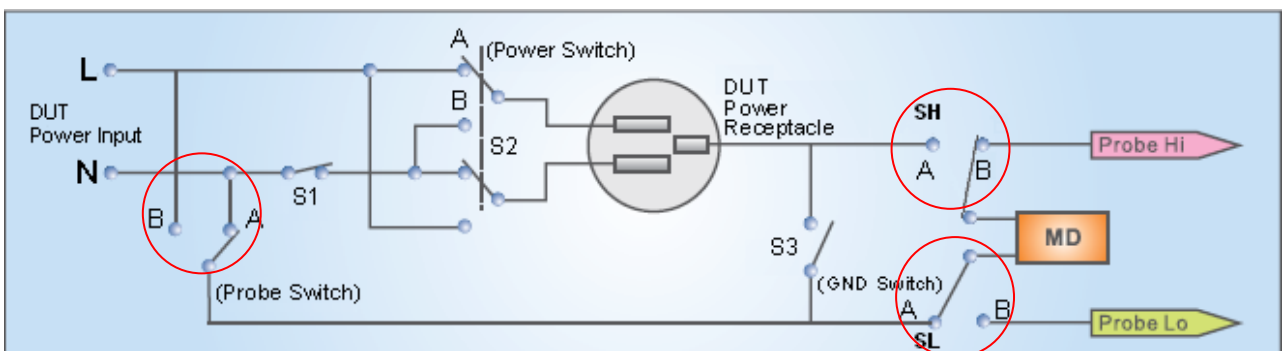
1. **Ground To Line (G-L):** SH、SL 開關及 Probe Switch 皆位於 A 位置



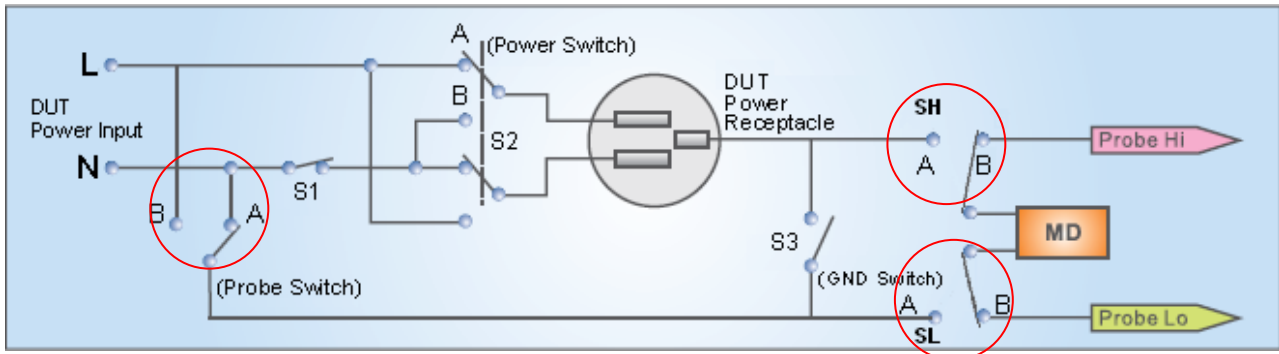
2. **Ground To Neutral (G-N):** SH 及 SL 開關位於 A 位置，Probe Switch 位於 B 位置



3. **Probe-HI To Line (PH-L):** SH 開關位於 B 位置，SL 開關及 Probe Switch 位於 A 位置

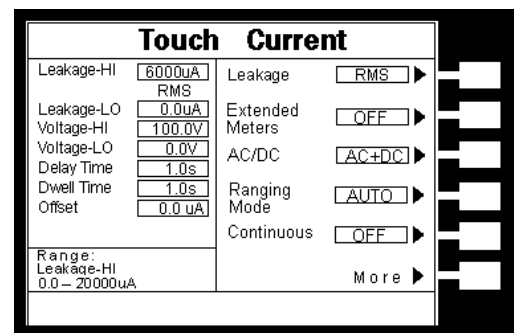


4. **Probe-HI To Probe-LO (PH-PL):** SH 及 SL 開關位於 B 位置，Probe Switch 位於 A 位置



洩漏電流模式(Leakage)設定

洩漏電流模式設定為利用“Leakage”鍵切換設定 7630 洩漏電流顯示值為 RMS 值電流或峰值(PEAK)電流，其顯示如右圖。



視窗切換(Extended Meters)設定

視窗切換利用“Extended Meters”鍵設定 ON 或 OFF。當 Extended Meters 設為“ON”，在測試過程中可按 ENTER 鍵切換視窗，可顯示 I-maximum 與 MD Voltage。I-maximum 表示測試過程中所顯示的最大電流；MD Voltage 表示量測人體模擬阻抗兩端的電壓。當 Extended Meters 設為“OFF”，為關閉此功能

量程(AC / DC)設定 (選購)

測試洩漏電流時可選擇為 AC+DC、AC 或 DC 的值。

檔位切換(Ranging Mode)設定

檔位切換利用“Ranging Mode”鍵設定 Auto 或 Manual。當 Ranging Mode 設為“Auto”，量測洩漏電流時，系統會自動切換選擇適當的檔位。當 Ranging Mode 設為“Manual”，系統會依照 Leakage-HI 的設定值做為該檔位選擇。

註：若選擇 Auto，AC+DC 的最短測試時間需 為 1 秒，AC 與 DC 的最短測試時間需為 1.9 秒。
若選擇 Manual，AC+DC 的最短測試時間需為 1 秒，AC 與 DC 的最短測試時間需為 1.4 秒。

電源持續輸出模式(Continuous)設定

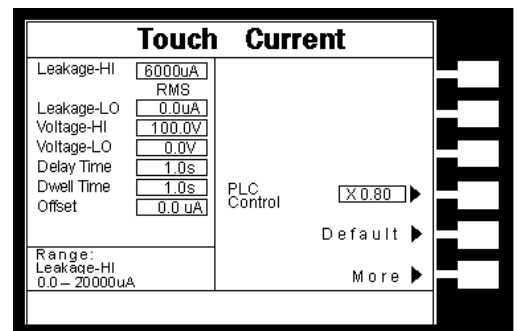
電源持續輸出模式設定為利用“Countinuous”鍵切換設定電源持續輸出模式為“ON”

或"OFF"。當 Continuous 設為"ON"，在做步驟連結測試時，若連續兩個步驟為同一個工作電源狀態時，則在前一個步驟測試完成後會持續輸出進行下一個測試步驟；但若連續兩個步驟非同一個工作電源狀態時，在前一個步驟測試完成後會先停止輸出，然後重新啟動輸出繼續下一個測試步驟。

當 Continuous 設為"OFF"，在做步驟連結測試時，不論連續兩個步驟是否為同一個工作電源狀態，在前一個步驟測試完成後都會先停止輸出，然後重新啟動輸出繼續下一個測試步驟。

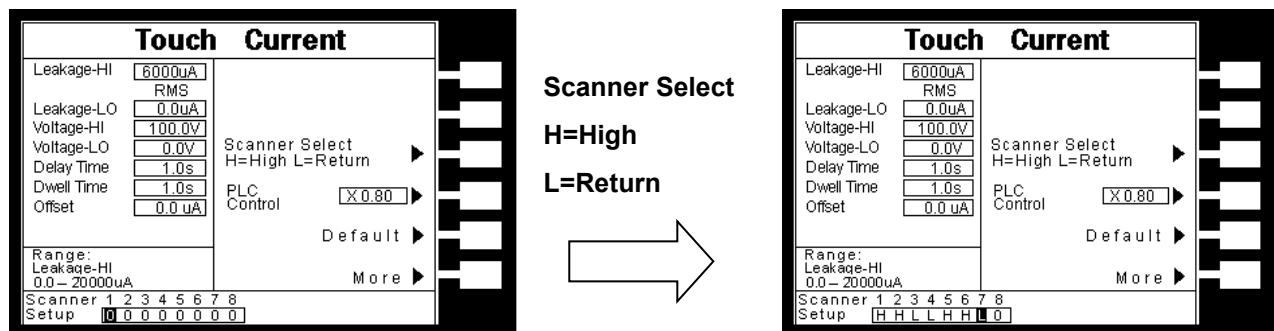
遠端控制(PLC Control)設定(選購)

此功能為設定遠端控制輸入電源倍率，須搭配選購華儀電子交流電源供應器、1931/1931S Series Transformer Box 或選購 OPT.752 產品電器測試模組 RUN Module 方有此設定項目。當選購為交流電源供應器，則有 M1~M7 七個記憶組選項可供選擇



矩陣式掃描器設定(選購 7006)

如果裝置掃描器，本分析儀軟體可自動偵測，並在 LCD 顯示器最下層，顯示其功能選項。請用 Scanner Select 鍵輸入掃描器各通道之狀態設定為 H(High)或 L(Return)，再按 ENTER 鍵，將設定數值存入，如下圖。



如果測試通道 (Channel) 超過 8 個點，則必須外接掃描器，當設定 Channe1~8 之狀態後，外接掃描器的指示燈就會顯示每個通道的設定狀態。

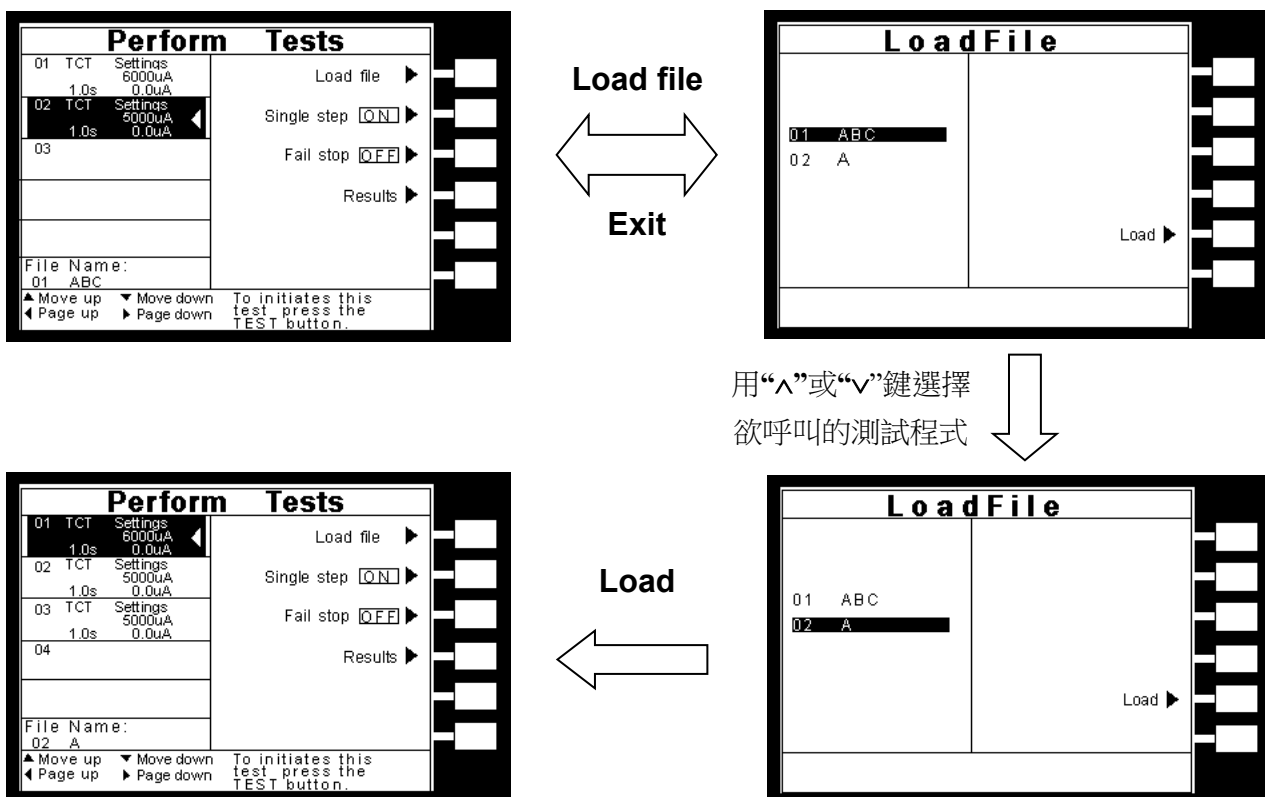
第五章 操作說明

5.1 執行測試(Perform Tests)設定

執行測試 **Perform Tests** 鍵作為選擇執行測試項目的操作鍵。執行測試參數設定項目依序為：讀取記憶組(Load file)，單一步驟連結測試(Single Step)，測試失敗停止模式設定(Fail Stop)，測試結果選擇(Results)。

5.1.1 讀取程式記憶組(Load file)

50 組測試程式記憶組，每個測試程式記憶組(File)具有 30 個測試步驟 (STEP)，每個測試步驟均可依序連結到下一個測試程式記憶組的測試步驟，但每個測試步驟只能設定一種測試功能。請用“^”或“v”鍵選擇欲呼叫的測試程式記憶組，再按 **LOAD** 鍵，執行程式會叫出該測試程式記憶組內所儲存的設定參數，並回到待測的模式，準備依照所叫出的測試參數執行測試。



5.1.2 單一步驟連結測試(Single Step)

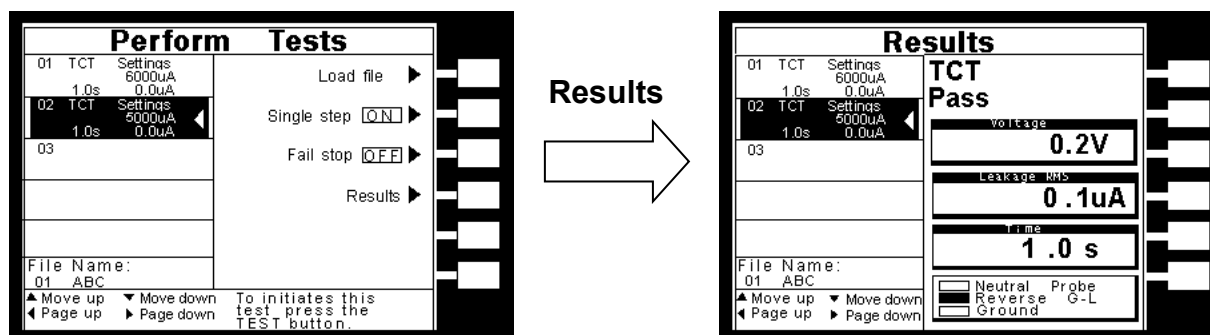
請用面板 Single Step 鍵,按下後輸入選擇切換為 ON 或 OFF。如 Single Step 遙控設定為 ON,本儀器執行步驟連結測試時,當第一組 step 測試結束時,需再按 TEST 開關,才會執行下一組 step 測試,如 Single Step 遙控設定為 OFF,本儀器執行步驟連結測試時,當第一組 step 測試結束時,會自動連結下一組 step 測試。

5.1.3 測試失敗停止模式設定(Fail Stop)

請用 ENTER 鍵選擇測試失敗停止的模式為 ON 或 OFF。這個功能主要用於多個測試步驟被連接成為一個測試程序組合。假如測試失敗停止模式設定為 ON,測試程序會在被測物測試失敗的步驟中停止繼續測試。如果尚有未完成的測試步驟,擬繼續完成測試,可以再按 TEST 開關,測試程序會往前繼續執行。如果先按 RESET 開關,然後再按 TEST 開關,測試程序會回到從第一個步驟,重新開始測試。如測試失敗停止模式設定為 OFF,無論被測物在測試程序的步驟中是否失敗,本儀器的程式會繼續往前測試,一直到整個測試程式完成為止。

5.1.4 測試結果選擇(Results)

請用面板上的 Results 鍵可顯示測試結果。



5.2 訊息說明

以下為本儀器在執行測試時，會出現在液晶顯示器上的各種訊息。

5.2.1 一般訊息說明

延遲時間(Delay)

在剛開始測試時，因要切換電源工作狀態(Line Configuration)及電錶讀值尚未穩定，所以在 Delay 時間內，其讀值不做任何判定，LCD 顯示器會顯示 Delay。

測試時間(Dwell)

在 Delay 時間之後，會進入 Dwell 時間，在本儀器讀到第一筆測試結果之前，測試的結果會不斷的被更新，此時液晶顯示器會顯示 **Dwell**，且其讀值會做 Hi/Lo Limit 的判定。

測試通過(Pass)

假如被測物在做測試時的整個過程都沒有任何異常的現象發生時，被認定為通過測試，LCD 顯示器會顯示 **Pass**。

測試中止(Abort)

假如測試正在進行之中，而按“RESET”開關或使用遙控裝置中斷測試，LCD 顯示器會顯示 **Abort**。

接地中斷失效(GND Fault)

如被測物在做測試時，被測物對大地漏電流過大(>5mA)時，會被本儀器程式判定為接地中斷失效(G.F.I.)造成的停止測試，LCD 顯示器會顯示 **GND Fault**。

待測物工作電壓上限測試失敗(Volt-HI)

如果待測物在測試時工作電壓超過超過本儀器的上限值時，程式會立即中止測試，將全部的繼電路關閉以及切斷待測物的工作電源，同時 RESET 開關內含的紅色指示燈會亮起並且發出警報聲音，LCD 顯示器會顯示 **Volt-HI**。

待測物工作電壓下限測試失敗(Volt-LO)

如果待測物在測試時工作電壓超過超過本儀器的低於下限值時，程式會立即中止測試，將全部的繼電路關閉以及切斷待測物的工作電源，同時 RESET 開關內含的紅色指示燈會亮起並且

發出警報聲音，LCD 顯示器會顯示 Volt-LO。

待測物漏電流上限測試失敗(Amp-HI)

待測物在做接觸電流測試時的工作電流值，其電流值仍然超過上限設定值，會被程式判定為洩漏電流上限造成的測試失敗，同時 RESET 開關內含的紅色指示燈會亮起並且發出警報聲音，LCD 顯示器會顯示 Amp-HI。

漏電流下限測試失敗(Amp-LO)

待測物在做接觸電流測試時的工作電流值，其電流值低於下限設定值，會被程式判定為工作電流下限造成的測試失敗，同時 RESET 開關內含的紅色指示燈會亮起並且發出警報聲音，LCD 顯示器會顯示 Amp-LO。

待測物工作電流過載(Line-OC)

如果待測物的工作電流值超過本儀器所能輸出的最高規定值時，程式會立即中止測試，將全部的繼電路關閉以及切斷待測物的工作電源，同時 RESET 開關內含的紅色指示燈會亮起並且發出警報聲音，LCD 顯示器會顯示 Line-OC。

待測物工作功率值上限測試失敗(Power-HI)

待測物輸入功率超過設定值時，面板左邊紅色的“FAIL”指示燈會亮起，同時程式會將全部的繼電路關閉以及切斷待測物的工作電源，同時 RESET 開關內含的紅色指示燈會亮起並且發出警報聲音，LCD 顯示器會顯示 Power-HI。

待測物工作功率值下限測試失敗(Power-LO)

待測物輸入功率低於設定值時，面板左邊紅色的“FAIL”指示燈會亮起，同時程式會將全部的繼電路關閉以及切斷待測物的工作電源，同時 RESET 開關內含的紅色指示燈會亮起並且發出警報聲音，LCD 顯示器會顯示 Power-LO。

待測物功率因數值上限測試失敗(PF-HI)

待測物的功率因數超過設定值時，面板右邊紅色的“FAIL”指示燈會亮起，同時程式會將全部的繼電路關閉以及切斷待測物的工作電源，同時 RESET 開關內含的紅色指示燈會亮起並且發出警報聲音，LCD 顯示器會顯示 PF-HI。

待測物工作電壓值下限測試失敗(PF-LO)

待測物功率因數低於設定值時，面板右邊紅色的“FAIL”指示燈會亮起，同時程式會將全部的繼電路關閉以及切斷待測物的工作電源，同時 RESET 開關內含的紅色指示燈會亮起並且發出

警報聲音，LCD 顯示器會顯示 PF-LO。

洩漏電流上限測試失敗(Leak-HI)

待測物在做接觸電流測試時的洩漏電流值，如果在判定延遲到達時，其電流值仍然超過上限設定值，會被程式判定為洩漏電流上限造成的測試失敗，同時 RESET 開關內含的紅色指示燈會亮起並且發出警報聲音，LCD 顯示器會顯示 Leak-HI。

洩漏電流下限測試失敗(Leak-LO)

待測物在做接觸電流測試時的洩漏電流值，如果在判定延遲到達時，其電流值仍然低於下限設定值，會被程式判定為洩漏電流下限造成的測試失敗，同時 RESET 開關內含的紅色指示燈會亮起並且發出警報聲音，LCD 顯示器會顯示 Leak-LO。

Neutral 端接地不良(Neutral-V)

此功能為偵測 Neutral 對地端接線是否良好，若機殼和 DUT Input 的 N 端電壓差大於 30VDC 時，則會被程式判定為 Neutral-V，同時 RESET 開關內含的紅色指示燈會亮起並且發出警報聲音，LCD 顯示器會顯示 Neutral-V。

人體阻抗模型過載(Leak-OC)

如果人體阻抗模型(MD)所量測到的電壓值超過本儀器所能量測最高規定值時，程式會立即中止測試，將全部的繼電路關閉以及切斷待測物的工作電源，同時 RESET 開關內含的紅色指示燈會亮起並且發出警報聲音，LCD 顯示器會顯示 Leak-OC。

註：接觸電流測試的顯示器訊息為假設待測物的測試棒被選擇為 G-L、人體阻抗模型(MD)為 D 而步驟為連接測試 “_” 時的訊息，這些訊息在不同的模式時，會顯示不同的訊息。

5.2.2 錯誤訊息顯示

“Fatal Error 9001”訊息

若顯示器出現“Fatal Error 9001”訊息，表示 GPIB 硬體故障。

此時請先關閉本儀器電源再按“RESET”開機暫時解除該狀況，然後請儘速和華儀電子的客支部或經銷商連絡。

“Fatal Error 9002”訊息

若顯示器出現“Fatal Error 9002”訊息，則表示系統參數的 EEPROM 發生錯誤。

此時請先關閉本儀器電源再按“RESET”開機暫時解除該狀況，然後按“RESET”進入設定，再任意更改一系統參數之設定後儲存即可。

“Fatal Error 9003”訊息

若顯示器出現“Fatal Error 9003”訊息，則表示校正資料有誤。

此時請先關閉本儀器電源再按“RESET”開機暫時解除該狀況，然後依校正方式隨意校正任一檔位即可。

5.3 操作程序及步驟

7630 接觸電流測試器主要是設計供生產線自動化以及品質分析和檢驗使用，其操作和設定都非常簡便。不合理的設定和操作會給予兩聲短暫嗶的警告，同時退回原來設定的狀態。請依照下列程序和步驟操作本儀器。

1. 請先選定一個良好的測試區域，並確實詳細閱讀本儀器操作的安全規定，建議測試區域必須設在安全環境的地點。在使用本儀器前，請務必選用具有地線的三孔電源插座，並且必須確認電源插座上的連接線，已被完全接受。
2. 請檢查並確認輸入電壓規格，是否與背板輸入**電壓選擇開關**所設定的電壓規格相符，115Vac 或 230Vac。在連接電源線以前，請先確認電源線的接地線並未斷路和要連接的接地點的接地是否良好，然後先將電源線的插頭插入本儀器背板上的輸入電源插座上，再將電源線另外一端的插頭插在電源插座上。
3. 請先將被測物或其測試治具端的測試線全部接受，但是**先不要**將本儀器的被測物輸出端子 (DUT OUTPUT)至被測物的測試線接上。
4. 然後開啟本儀器的輸入**電源開關**，然後程式會自動出現本儀器最後一次測試時的記憶組和測試參數資料，並進入待測和參數設定模式。

5. 請先參考**一般測試參數設定**的說明，將本儀器的一般測試參數，依序為時間及日期設定 (Time and Data)、校正日期預警 (Calibration Alert)、硬體功能設定 (Hardware)、安全設定 (Security)。這些儀器的系統參數為測試時在儀器上的一般設定條件，與儀器測試的功能參數並無任何關聯，這些系統參數設定的儲存的位置，也與功能參數完全分開。
6. 如果要重新設定測試參數，請按 **SetupTest** 鍵，進行參數設定模式，重新設定測試參數，詳細的設定方式、程序和步驟，請參考**測試參數設定**的說明。如果鍵盤被鎖定，請先參照鍵盤鎖定的說明，先將鍵盤解鎖，才能進行測試參數設定。
7. 如果要選擇記憶組內的測試參數進行測試時，請按 **Setup Tests** 鍵，程式會進入記憶組的選擇模式，請用“^”或“v”鍵將要選擇作為測試的**程式記憶組**，記憶組選擇完成後，再按 **Exit** 鍵離開，再按 **Perform Tests** 鍵，程式會自動叫出將該記憶組的測試參數並回到等待測試模式。
8. 請先按一次“TEST”鍵，若此時顯示器顯示為“**Neutral-V**”，則請按“RESET”鍵後關機。
9. 將待測物工作電源輸入的 L、N 端子反接，再將本儀器輸出至被測物的測試線接上，然後再開機。

如果使用者使用的插座接線盒(Adaptor Box)時，請將插座接線盒上的 L 和 N 分別接到本儀器背板上 DUT OUTPUT 的 L 和 N 的輸出端子上，然後再將插座接線盒上的 G (Earth)接到背板上的 GND 端子上。

10. 如果要進行測試，請按 **TEST** 開關，此時面板上紅色的小心標誌會閃爍，**測試進行時請勿觸碰被測物件，以策安全。**
11. 如果在測試進行中要中止測試，請按 **RESET** 開關，本儀器立即停止測試，LCD 顯示器會保留當時的測試值。如要繼續進行測試，請再按面板上的 **TEST** 開關，程式會再繼續測試未完成的測試步驟，如果要重新由第一個測試步驟再開始測試時，請再按 **RESET** 開關，再按 **TEST** 開關，程式會自動由第一個測試步驟開始測試。
12. 如果由於被測物的測試失敗，本儀器立即停止測試並且顯示器會顯示的狀態和失敗時的數值，此時紅色 **RESET** 開關內的指示燈會亮，同時發出嗶的警告聲音。如要繼續進行測試，請再按面板上的 **TEST** 開關，程式會再繼續測試未完成的測試步驟，如果要重新由第一個測試步驟再開始測試時，請先按 **RESET** 開關，再按 **TEST** 開關，程式會自動由第一個測試

步驟開始測試。也可以按 **RESET** 開關關閉警報聲音而保留測試讀值，但再按 **TEST** 開關時，程式會自動由第一個測試步驟開始測試。有關各種測試失敗的顯示器信息，請參考**顯示器信息**的說明。

13. 如果要使用外部遙控裝置操作本儀器，請將本儀器的 PLC Remote 的功能設為“ON”並將遙控器接到背板上的遙控輸入端子上。遙控器上 **TEST** 和 **RESET** 開關的功能、作用與本儀器上的開關完全相同。
14. 本儀器備有 PASS、FAIL、PROCESSING、Start-Out 及 Reset-Out 遠端監視信號的輸出和遙控呼十組記憶組的功能，如要使用這些功能，請參考遙控輸入和輸出訊號的說明。
15. 接觸電流測試能提供生產線自動化以及品質分析和檢驗使用，標準可為 RS232 控制或可以另購 GPIB (IEEE-488.2) 介面控制，也可以另購列印介面，將本儀器所測試到的結果**即時列印出來，其操作和設定都非常簡便。**

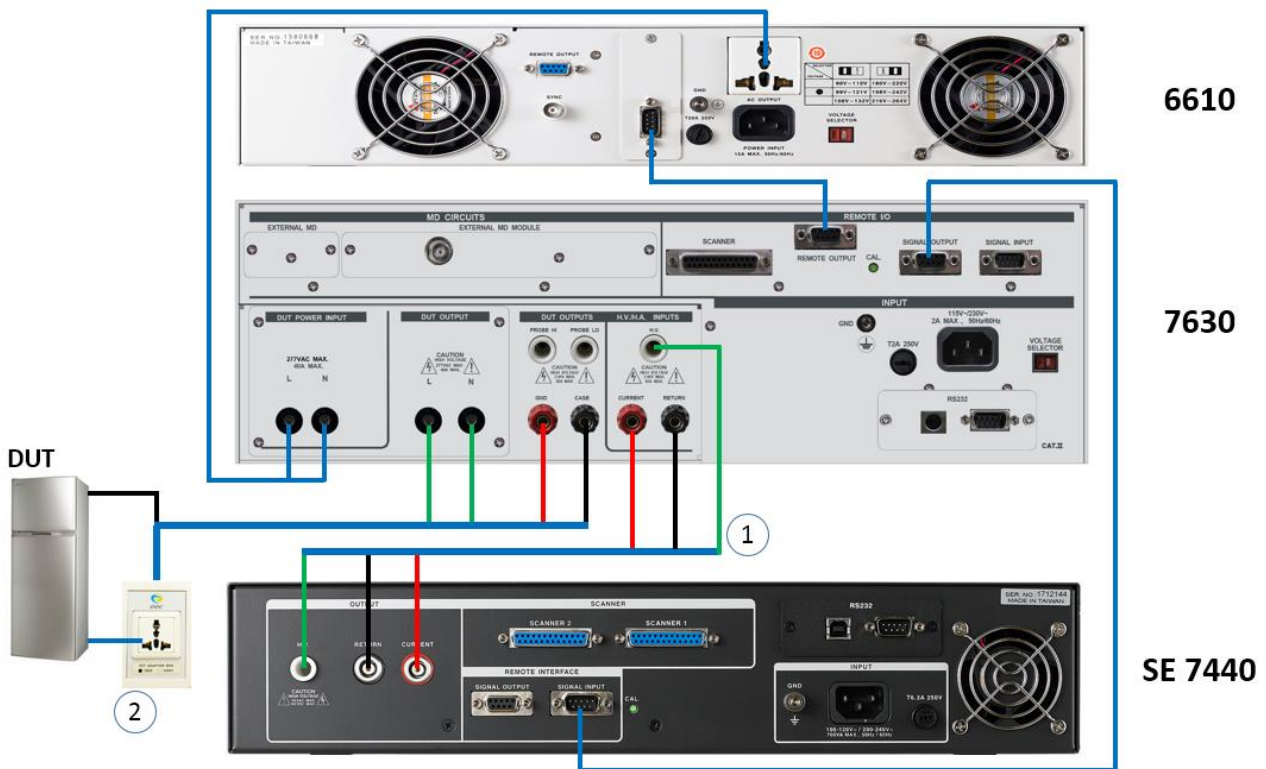
16. 設定程序

在執行接觸電流測試工作以前，請先確認各項測試參數已經依照“測試參數設定程序”妥善設定，並且也要檢查各項一般測試參數(儀器工作條件)是否設定妥當。

WARNING 接觸電流測試器上待測物的工作電源必須為非平衡式電源，也就說需要一條線為火線(Line、L)，而另外一條線為中性線(Neutral、N)，絕對不可以將單相三線式(110V-0-110V)的 220V 或其他具有中點線(中心線)的電源作為本儀器上待測物的工作電源。中性線可以不要接地並採用浮動系統，但是中性線(N)對地的電壓越低越好。如果採用具有中心線接地的平衡系統，在操作本儀器時會導致人或機具的危險。

17. 請確認待測物或其測試治具上的各項接續線是否接受，並請再次確認待測物的工作電源為非平衡式電源系統。在執行操作本儀器以前也必須確認本儀器上的安全接地(本儀器背板上的機體接地端子)是否接受，其接地是否良好。

5.4 7630+OPT.754 與 安規測試器接線圖



- 線 1：配件 1223，可用於安規測試機輸出訊號與 7630 的 OPT.754 模組連接
- 線 2：配件 1932，可用於 7630 的 OPT.754 模組與待測物連接進行耐壓與接地阻抗測試

如果本儀器要與其他安規儀器作連接測試時，必須使用 9 Pin D 型接頭的排線將本儀器的遙控訊號，由背板上的 SIGNAL OUTPUT 端子連接到安規儀器背板上的 SIGNAL INPUT 端子上，華儀電子備有遙控訊號連接線可供選購。因為本儀器和安規儀器的背板上各有一個 SIGNAL INPUT 和 SIGNAL OUTPUT 的端子，請特別注意一定要由本儀器的 SIGNAL OUTPUT 接到安規儀器的 SIGNAL INPUT，絕對不可以由本儀器的 SIGNAL INPUT 接到安規儀器的 SIGNAL OUTPUT。

同時要確認本儀器 PLC REMOTE 必須被設定為“OFF”，而安規儀器的 PLC REMOTE 必須被設定為“ON”，這樣本儀器才能經由遙控訊號連接線驅動安規儀器執行測試。

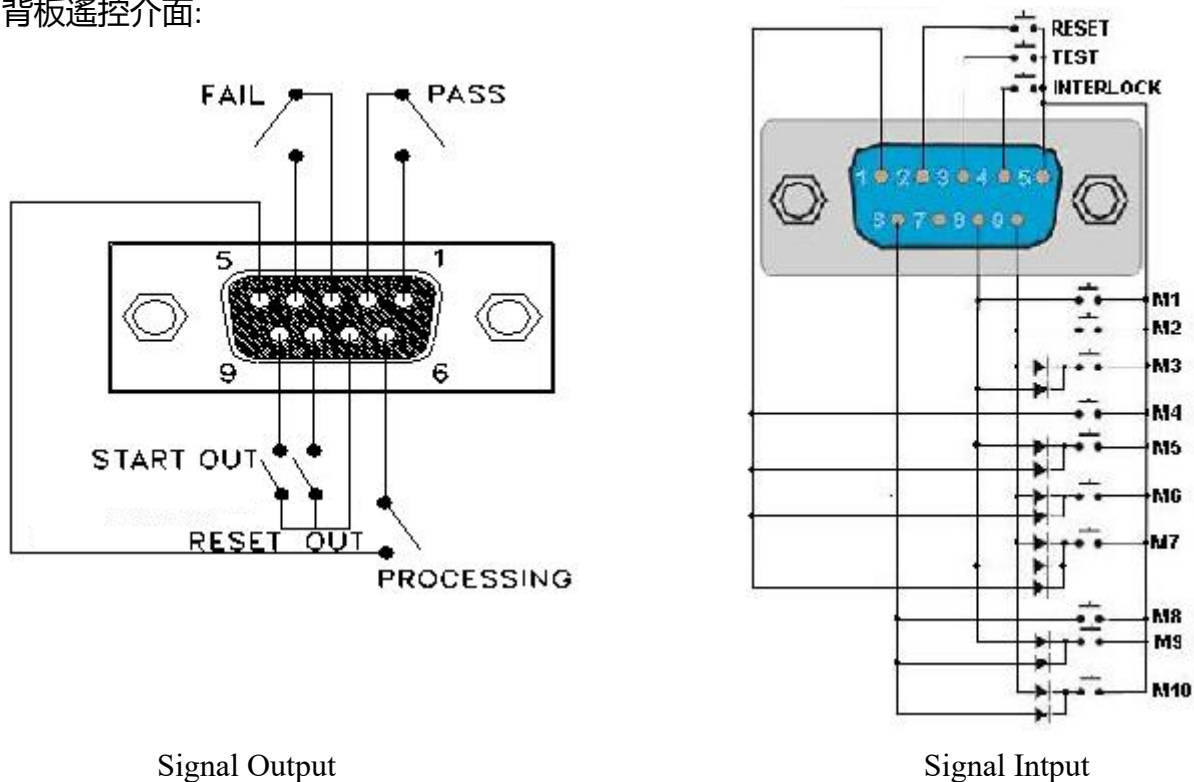
上圖虛線所示的 PROBE HI 接到待測物的機體上的電源洩漏電流測試為“對表面洩漏電流測試”(Enclosure Leakage Test)，有些安規規範有這種特殊測試的規定。PROBE HI 和 PROBE LO 也可以同時被接到待測物的兩個測試點上，稱之為應“表面間洩漏電流測試”(Applied Part Leakage Test)。

第六章 介面說明

6.1 標準遙控介面 (Remote I/O)

在本儀器的背板上配置有兩個 D 型 (9PIN) 連接端子，提供為遙控輸入控制訊號和輸出信號輸出。這些連接端子和標準的 D 型 (9PIN) 連接頭互相匹配，必須由使用者自備。為了能達到最佳的效果，建議使用隔離線作為控制或信息的連接線，為了不使隔離地線成為一個迴路而影響隔離效果，必須將隔離線一端的隔離網接地。

背板遙控介面:



6.1.1 遙控訊號輸出 (Signal Output)

在本儀器的背板上備有遙控訊號輸出端子，將儀器的測試通過 (PASS)、測試失敗 (FAIL)、測試停止/重置(RESET)、測試中 (PROCESSING)... 等訊號，提供為遙控監視之用。這些訊號的現狀分別由儀器內部繼電器 (Relay) 提供不帶電源的常開 (N.O.) 接點，其接點的容量為：AC 125V 1.0 Amp。

備註： 這些接點沒有正負極性的限制，同時每一個信號是獨立的接線，沒有共同的地線

(COMMON)。訊號是由本儀器背板上配置的 D 型 (9 PIN) 連接端子輸出，端子上附有腳位編號的標示，每個輸出訊號的接線分別如下：

- | | |
|-----------------|----------------------|
| 1.PASS 訊號 | 接在 PIN 1 和 PIN 2 之間。 |
| 2.FAIL 訊號 | 接在 PIN 3 和 PIN 4 之間。 |
| 3.PROCESSING 訊號 | 接在 PIN 5 和 PIN 6 之間。 |
| 4.RESET OUT 訊號 | 接在 PIN 7 和 PIN 8 之間。 |
| 5.TEST OUT 訊號 | 接在 PIN 7 和 PIN9 之間。 |

6.1.2 控訊號輸入與記憶程式

在本儀器的背板上配置有遙控訊號輸入端子，可以由外接遙控裝置操作儀器的 INTERLOCK 和 TEST 及 RESET 的功能或呼叫預設於十組記憶程式中的任何一組測試參數，逕行使用另外的測試開關，直接進行測試，不需由面板設定和使用面板上的“TEST”開關。當 PLC 遙控功能設定為 ON 時，面板上的 TEST 開關被設定為不能操作，以避免雙重操作引起的誤動作和危險，此時面板上的 RESET 開關依然可以操作，以便隨時在任何地方都可以關閉高壓輸出。

備註:如不使用遙控裝置操作時,需將解除(INTERLOCK)鎖定附件,安裝至遙控訊號輸入端子上。

以下為遙控裝置的接線方式：

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| 1. RESET 控制 | 控制開關接在 PIN 2 和 PIN 5 之間 |
| 2. TEST 控制 | 控制開關接在 PIN 3 和 PIN 5 之間 |
| 3. INTERLOCK 控制 | 控制開關接在 PIN 4 和 PIN 5 之間 |
- PIN 5 為遙控電路的共同 (COMMON) 地線

注意：絕對不能再接上任何其它的電壓或電流電源，如果輸入其它的電源，會造成儀器內部控制電路的損壞或誤動作。

遙控記憶程式的訊號輸入，必須使用常開(N.O.)的瞬接(MOMENTARY)開關作為控制的工具，以下為其接線方式：

- | | |
|------------|--|
| 1. 第一組記憶程式 | 控制開關接在 PIN 5 和 PIN 8 之間 |
| 2. 第二組記憶程式 | 控制開關接在 PIN 5 和 PIN 9 之間 |
| 3. 第三組記憶程式 | 控制開關接在 PIN 5 和 PIN 8、PIN 9 外接 Diode 之間 |
| 4. 第四組記憶程式 | 控制開關接在 PIN 5 和 PIN 6 之間 |

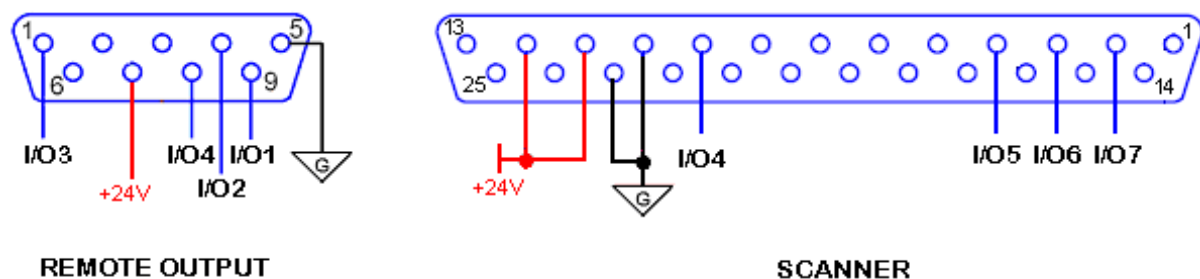
- | | |
|-------------|--|
| 5. 第五組記憶程式 | 控制開關接在 PIN 5 和 PIN 8、PIN 1 外接 Diode 之間 |
| 6. 第六組記憶程式 | 控制開關接在 PIN 5 和 PIN 9、PIN 1 外接 Diode 之間 |
| 7. 第七組記憶程式 | 控制開關接在 PIN 5 和 PIN 8、PIN 9 和 PIN 1 外接 Diode 之間 |
| 8. 第八組記憶程式 | 控制開關接在 PIN 5 和 PIN 6 之間 |
| 9. 第九組記憶程式 | 控制開關接在 PIN 5 和 PIN 8、PIN 6 外接 Diode 之間 |
| 10. 第十組記憶程式 | 控制開關接在 PIN 5 和 PIN 9、PIN 6 外接 Diode 之間 |

PIN5 及 PIN 7 為遙控記憶程式的訊號輸入電路的共同(COMMON)地線

註明 :遙控輸入訊號分為遙控操作和遙控記憶程式組兩個組群，每一個組群的電源和共同地線自獨立，不能混淆。

6.2 SCANNER & 輸入電源 I/O 訊號控制介面

在本儀器的背板上配置有一個 9P 和一個 25P D 型連接端子，提供為 **SCANNER & 輸入電源 I/O 訊號控制介面**，共有 7 個 I/O 訊號，這些連接端子必須由使用者自備。REMOTE OUTPUT 與 SCANNER I/O 訊號可同時使用，但此時 REMOTE OUTPUT 有 4 個 I/O 訊號，而 SCANNER 僅有 3 個 I/O 訊號可使用。



6.2.1 輸入電源 I/O 訊號控制介面

此 9P 控制介面提供 4 個 I/O 訊號 透過此控制端子可控制 DUT POWER INPUT 端的輸入電源

6.2.2 SCANNER I/O訊號控制介面

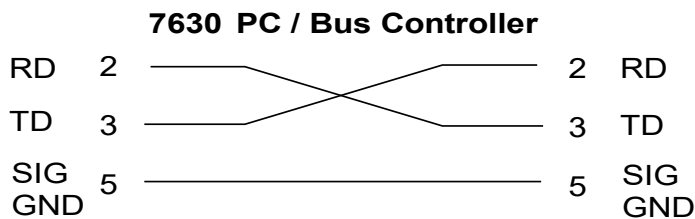
此 25P 介面提供 4 個 I/O 訊號，可利用此 I/O 訊號透過掃描器等來控制待測物 Probe HI 端和 Probe LO 端的 HI/LO 訊號。

6.3 RS232/GPIB介面

本章提供 RS232 和 GPIB 介面的正確使用方法及資訊，兩種介面的指令清單完全相同。RS232 介面為 7630 的標準配備，7630 的安規分析儀都具有配置 RS232 及 GPIB 介面的能力。

6.3.1 RS232介面

RS232 連接方式必須符合 9 PIN 的串列式通信介面埠 (Serial Port)，如下圖所示：



其通信埠須符合以下的結構：9600 baud、8 data bits、1 stop bit、no polarity 等。這個介面不支援 XON/XOFF 的 protocol 和任何硬體方式的 Handshaking。控制器 (Controller) 的架構必須具有排除 Handshaking Lines DTR (PIN 4)、DSR (PIN 6)及 RTS (PIN 9)的功能。如果這通信埠不能經由軟體方式排除 Handshaking Lines 時，Handshaking Lines 則應分兩個不同組群，分別跳接在一起。PIN 4 和 6、PIN 7 和 8 必須在控制器電纜的末端接合在一起。

當指令經由 RS232 Bus 送給 7630 接觸電流測試器時，假如所傳送的字串(String)可以被本儀器辨識或接受，本儀器會回應一個證明字串給控制器。這是一種軟體方式的 Handshaking，可以控制和監視資料(Data)的傳送。如所傳送的指令字串有錯誤，本儀器會以 15h 或 NAK 的 ASCII 控制碼作為回應。若傳送資料被接受，會回應原傳送字串或電腦所需讀回之資料字串。當字串傳輸或 Command 傳輸結束時，需加結束碼 LF=(0AH);如"TEST"+LF。

6.3.1.1 RS232/GPIB 介面指令清單

下列指令被作為驅動 ON/OFF 功能或選擇各種參數表之用。執行這些指令時，不需使用任何其他數值或參數。然而在使用於某項特定功能 (Function Specific) 的指令時，這些功能選擇指令，需建立新檔案 (COMMAND: FN nn,xxxx)及記憶組位址(COMMAND:SS nn)必須要先執行，以便進入各項功能編輯參數。

在編輯指令時需要一個參數值被包含在指令裡，而伴隨的詢問指令則可以讀取這個參數的數值。這些指令的用法不需包含單位，僅需參數數值，而當使用詢問指令時，回應的結果也不包含單位。

測試執行指令

下面的指令用於控制儀器實際的輸出電壓和電流，請遵守所有安全注意事項。

指令	描述	LLT	RUN
TEST	執行測試	V	V
RESET	停止測試或失敗重置	V	V

檔案編輯指令

下面的指令用於創造或修改測試設定檔案。

指令	描述	設定值	LLT	RUN
FL <file number>	呼叫已儲存的特定檔案	file number: 檔案編號 = 1-50	V	V
FD	刪除目前執行的檔案		V	V
FD <file number>	刪除已存在的特定檔案	file number: 檔案編號 = 1-50	V	V
FS	儲存目前編輯的檔案		V	V
FSA <file number>, <file name>	另存新檔	file number: 檔案編號 = 1-50, file name: 檔案名稱 Valid ASCII (1), 最長 10 個字元	V	V
FN <file number>, <file name>	開啟新檔	file number: 檔案編號 = 1-50, file name: 檔案名稱 Valid ASCII (1), 最長 10 個字元	V	V
SS <step number>	選擇已儲存的特定步驟	step number: 步驟編號 = 1-30	V	V
SS?	讀取目前執行或所選擇的步驟編碼		V	V
ADD <test,p1, p2,p3... >	在目前執行的步驟前新增一步驟並編輯步驟內所有的測試參數	Test: 指測試功能型態 (TCT 或 RUN) p1,p2,p3...: 指功能內所有的測試參數	V	V
SAR	增加 RUN 測試步驟			V
SAL	增加 LLT 測試步驟		V	
SD	刪除目前執行的步驟		V	V
SD <step number>	刪除已存在的特定步驟	step number: 步驟編號 = 1-30	V	V
SP	刪除目前執行步驟的提示		V	V
SP <prompt message>	編輯目前執行步驟的提示	prompt message: 訊息提示 = Valid ASCII (1), 最長32個字元	V	V

FM <value>	檔案連結	value = 0 or 1; 1=On (開啟連結), 0=Off (取消連結)	V	V
FM?	查詢檔案連結狀態		V	V

ADD <test,p1,p2,p3... >

在現在執行的測試步驟前新增一功能測試步驟並同時編輯所有參數。若步驟 2 已被設定並儲存，而若 7630 游標停留在步驟 2 然後下 **ADD <test,p1,p2,p3... >**指令，則會新增一個步驟 2，而原步驟 2 及之後的步驟會往後遞延成步驟 3、步驟 4 ...。

若欲新增 RUN 功能測試步驟並同時編輯所有參數，則此處的參數 test 即為 RUN，而 p1,p2,p3 ...依序為其參數 Voltage-HI, Voltage-LO, Amp-HI, Amp-LO, Delay, Dwell, Leakage-HI, Leakage-LO, Power-HI, Power-LO, PF-HI, PF-LO, Continuous 和 Mn。編輯指令為：

ADD RUN,Voltage-HI,Voltage-LO,Amp-HI,Amp-LO,Delay,Dwell,Leakage-HI,Leakage-LO, Power-HI, Power-LO,PF-HI,PF-LO,Continuous

若欲新增 LLT 功能測試步驟並同時編輯所有參數，則此處的參數 test 即為 LLT，而 p1,p2,p3 ...依序為其參數 LLT, Leakage-HI, Leakage-LO, Voltage-HI, Voltage-LO, Delay, Dwell, Neutral, Reverse, Ground, Meas.Device, Probe, Leakage, Extended Meters, Ranging Mode, AC/DC, Continuous 和 Mn。編輯指令：

ADD LLT,Leakage-HI,Leakage-LO,Voltage-HI,Voltage-LO,Delay,Dwell,Neutral,Reverse,Ground, Meas.Device,Probe,Leakage,Extended Meters,Ranging Mode,AC/DC,Continuous

舉例說明：若欲新增一 TCT 測試步驟，測試參數數值為：

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Leakage-HI | 6000uA |
| 2. Leakage-LO | 0.0uA |
| 3. Voltage-HI | 100.0V |
| 4. Voltage-LO | 0.0V |
| 5. Delay | 0.5S |
| 6. Dwell | 0.5S |
| 7. Neutral | CLOSED |
| 8. Reverse | OFF |
| 9. Ground | CLOSED |
| 10. Meas.Device | UL544NP |
| 11. Probe | Ground to Line |
| 12. Leakage | RMS |

- 13. Extended Meters OFF
- 14. Ranging Mode Manual
- 15. AC/DC AC
- 16. Continuous OFF

ADD LLT, 6000,0.0,100.0,0.0,0.5,0.5,CLOSED,OFF,CLOSED,UL544NP,Ground To
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Line,RMS,OFF,Manual,AC,OFF
 12 13 14 15 16

若有選購功能時，其參數順序及參數值同 7630 顯示器之設定。

測試參數編輯指令和詢問指令

這些編輯指令是用來修改每個步驟的測試參數數值。

指令	描述	設定值	LLT	RUN
ECH <value>	編輯電流上限 (Current-HI)	0.00 - 15.00A		V
ECH?	讀取電流上限值			V
ECL <value>	編輯電流下限 (Current-LO)	0.00 - 15.00A		V
ECL?	讀取電流下限值			V
EDE <value>	編輯延遲時間 (Delay)	0.0 - 999.9s	V	V
EDE?	讀取延遲時間		V	V
EDW <value>	編輯測試時間 (Dwell)	0.0 - 999.9s	V	V
EDW?	讀取測試時間		V	V
EG <value>	編輯待測物工作電源 Ground 開關狀態	value = 0 or 1; 1=Open (開關打開), 0=Close (開關閉合)	V	
EG?	讀取 Ground 開關狀態		V	
ELO <value>	編輯漏電流歸零功能 (Offset)	0 - 999.9uA	V	
ELO?	讀取漏電流歸零		V	
ES <value>	編輯掃描器通道狀態 (Scanner)	xxxxxxx=H, L or O	V	
ES?	讀取掃描器通道狀態		V	
EVH <value>	編輯電壓上限 (Voltage-HI)	0.0 - 277.0V	V	V
EVH?	讀取電壓上限值		V	V
EVL <value>	編輯電壓下限 (Voltage-LO)	0.0 - 277.0V	V	V
EVL?	讀取電壓下限值		V	V

ER <value>	編輯待測物工作電源 Reverse 開關狀態	value = 0~2; 1=On(B 位置), 0=Off (A 位置), 2=Auto (A、B 位置各執行一次)	V	
ER?	讀取 Reverse 開關狀態		V	
ECTN <value>	編輯電源持續輸出模式(Continuous)	value = 0 or 1; 1=On(持續輸 出), 0=Off(取消持續輸出)	V	V
ECTN?	讀取電源持續輸出狀態		V	V
EP <value>	編輯測試棒狀態 (Probe)	value = 0 ~ 4; 0=Ground to Line, 1=Probe-HI to Line, 2=Probe-HI to Probe-LO, 3=Ground to Neutral, 4=Auto	V	
EP?	讀取測試棒狀態		V	
EN <value>	編輯待測物工作電源 Neutral 開關狀態	value = 0 or 1; 1=Open (開關打 開), 0=Close (開關閉合)	V	
EN?	讀取 Neutral 開關狀態		V	
EM <value>	編輯人體阻抗模型 (Measurement Device)	value = 0 ~ 5; 0=UL544NP, 1=UL544P*1, 2=IEC 601-1, UL2601-1, 3=UL1563*1, 4=IEC 60990 Fig 4, U2 5=IEC 60990 Fig 4, U1 6=IEC 60990 Fig 5, U3 7=IEC 60990 Fig 5, U1	V	
EM?	讀取人體阻抗模型設定狀態		V	
ELH <value>	編輯洩漏電流上限 (Leakage-HI)	value = 0.000 - 10.00mA for RUN; 0.000 - 20000uArms/30000uApeak for TCT, 若選購 OPT.754 時則為 0.000 - 35000uArms/75000uApeak	V	V
ELH?	讀取洩漏電流上限值		V	
ELL <value>	編輯洩漏電流下限 (Leakage-LO)	value = 0.000 - 10.00mA for RUN; 0.000 - 20000uArms/30000uApeak for TCT, 若選購 OPT.754 時則為 0.000 - 35000uArms/75000uApeak	V	V
ELL?	讀取洩漏電流下限值		V	
EPOH <value>	編輯功率上限 (POWER-HI)	value = 0 – 10000W		V
EPOH?	讀取功率上限值			V
EPOL <value>	編輯功率下限 (POWER-LO)	value = 0 – 10000W		V
EPOL?	讀取功率下限值			V
EPFH <value>	編輯功率因數上限 (PF-HI)	value = 0.000 – 1.000		V
EPFH?	讀取功率因數上限值			V
EPFL <value>	編輯功率因數下限 (PF-LO)	value = 0.000 – 1.000		V
EPFL?	讀取功率因數下限值			V
EACDC	編輯量程		V	

EACDC?	讀取量程	0=AC+DC, 1=AC, 2=DC	V	
EEM	編輯視窗切換	0: OFF 1:ON	V	
EEM?	讀取視窗切換		V	
ERM	編輯檔位切換	0: Manual 1:Auto	V	
ERM?	讀取檔位切換		V	
ELM <value>	編輯洩漏電流模式(Leakage)	value = 0 or 1; 1=Peak, 0=RMS	V	
ELM?	讀取洩漏電流模式		V	

*1 如果選購有 OPT.754 High Measurement Range 35mArms / 75mApeak & 4MDs, 則此功能不存在.

系統參數編輯指令和詢問指令

指令	描述	設定值/讀取	LLT	RUN
SA <value>	提前預警顯示時間設定	value: 日期= mm,dd,yy or yy,mm,dd or dd,mm,yy	V	V
SA?	讀取提前預警時間		V	V
SAL <value>	警報音量設定	value = 0-9	V	V
SAL?	讀取警報音量設定狀態		V	V
SC <value>	反襯亮度設定	value = 1-9	V	V
SC?	讀取反襯亮度設定狀態		V	V
SCA <value>	開啟預警顯示設定	value = 0 or 1; 1= On, 0=Off	V	V
SCA?	讀取預警顯示設定狀態		V	V
SCDA <value>	校驗時間設定	value : 日期= mm,dd,yy or yy,mm,dd or dd,mm,yy	V	V
SCDA?	讀取校驗時間		V	V
SCDU <value>	下次校正時間設定	value: 日期= mm,dd,yy or yy,mm,dd or dd,mm,yy	V	V
SCDU?	讀取下次校正時間		V	V
SDAY <value>	一週設定	value = 0 – 6, 0,1,2,3,4,5,6= Sun,Mon.,Tues,Wen, Thur,Fri,Sat	V	V
SDAY?	讀取一週設定狀態		V	V
SDF <value>	日期格式設定	value = 0 – 2; 0=ymd, 1=mdy, 2=dmy	V	V
SDF?	讀取日期格式設定狀態		V	V
SDT <value>	日期設定	value = mm,dd,yy or yy,mm,dd or dd,mm,yy ; same as SDF setting	V	V
SDT?	讀取設定日期		V	V
SF	測試失敗停止設定	value = 0 or 1; 1= On(失敗停止), 0=Off(取消失敗停止)	V	V
SF?	讀取測試失敗停止設定狀態		V	V
SL	鍵盤鎖定(LOCK) 設定	value = 0 or 1; 1= On(鍵盤鎖定), 0=Off(取消鍵盤鎖定)	V	V
SL?	讀取鍵盤鎖定設定狀態		V	V

SML <value>	記憶組鎖定(Memory Lock) 設定	value = 0 or 1; 1= On(記憶組鎖定), 0=Off(取消記憶組鎖定)	V	V
SML?	讀取記憶組鎖定設定狀態		V	V
SMM <value>	進入主畫面(Main Menu) 選擇設定	value = 0 or 1; 1= On(開機後下一個進入Main Menu 畫面), 0=Off (開機後下一個進入 Perform Tests 畫面)	V	V
SMM?	讀取進入主畫面設定狀態		V	V
SOI <value>	開機畫面(7630 Info) 設定	value = 0 or 1; 1= Pause(開機後會停留在開機畫面), 0=Continue(開機後會自動跳至下一個畫面)	V	V
SOI?	讀取開機畫面設定狀態		V	V
SPR <value>	PLC遙控功能 (PLC Remote) 設定	value = 0 or 1; 1= On(PLC遙控功能開啟), 0=Off (PLC遙控功能取消)	V	V
SPR?	讀取 PLC 遙控功能設定狀態		V	V
SSI <value>	單一步驟測試(Single Step) 設定	value = 0 or 1; 1= On(連續測試), 0=Off (單一步驟測試)	V	V
SSI?	讀取單一步驟測試設定狀態		V	V
STF <value>	時間格式(Time Format) 設定	value = 0 or 1; 0=12hr, 1=24hr	V	V
STF?	讀取時間格式設定狀態		V	V
STM <value>	時間模式(Time) 設定	value = hh,mm (24hr) hh,mm,AM or hh,mm,PM (12hr) 依據 STF 指令的設定	V	V
STM?			V	V
SV <value>	測試功能確定(Verification) 設定	value = 0 or 1; 1= On(開啟測試功能確定), 0=Off (取消測試功能確定)	V	V
SV?	讀取測試功能確定設定狀態		V	V

詢問指令

指令	描述	讀取結果說明	LT	RUN
TD?	讀取測試中的測試資料		V	V
RD <step number>?	讀取所指定的測試步驟的測試結果	step number: 步驟編號= 1-30	V	V
RD <file number>, <step number>?	讀取所指定的測試檔案及步驟的測試結果	file number: 檔案號碼= 1-50 step number: 步驟編號= 1-30	V	V
RR?	讀取搖控 Reset 開關的狀態	1=Open, 0=Closed	V	V
RI?	讀取 Interlock 的狀態	1=Open, 0=Closed	V	V
RS?	讀取掃描器連接狀態	0=無, 1=External (外接掃描器)		V
TMDV?	讀取 MD 兩端電壓		V	
TMAX?	讀取量測過程中最大電流		V	

LF?	查詢現在所執行的檔案名稱		V	V
LF <file number>?	查詢指定檔案的名稱	file number: 檔案號碼= 1-50	V	V
LP?	查詢現在執行步驟的提示內容		V	V
LP <step number>?	查詢指定步驟的提示內容	step number: 步驟編號= 1-30	V	V
FT?	讀取目前已儲存的檔案數量		V	V
ST?	讀取目前已儲存的步驟數量		V	V
LS?	查詢現在執行步驟內所有參數的設定值		V	V
LS <step number>?	查詢指定步驟內的所有參數的設定值	step number: 步驟編號= 1-30	V	V

TD?, RD <step number>? 和 RD <file number>,<step number>?

如果測試的功能為 RUN，則讀取的格式如下：

Step number,RUN,Result,Voltage,Current,Power,Dwell,Leakage,PF

如果測試的功能為 LLT，則讀取的格式如下：

Step number,LLT,Result,Voltage,Leakage,Dwell

其中 Result 為測試結果 PASS 或 FASL。

LS? / LS <step number>?

查詢**現在執行** / **指定**步驟內所有參數的設定值。

如果測試的功能為 RUN，則讀取的格式如下：

STEP number,RUN,Voltage-HI,Voltage-LO,Amp-HI,Amp-LO,Delay,Dwell,Leakage-HI,Leakage-LO, Power-HI,Power-LO,PF-HI,PF-LO,Continuous

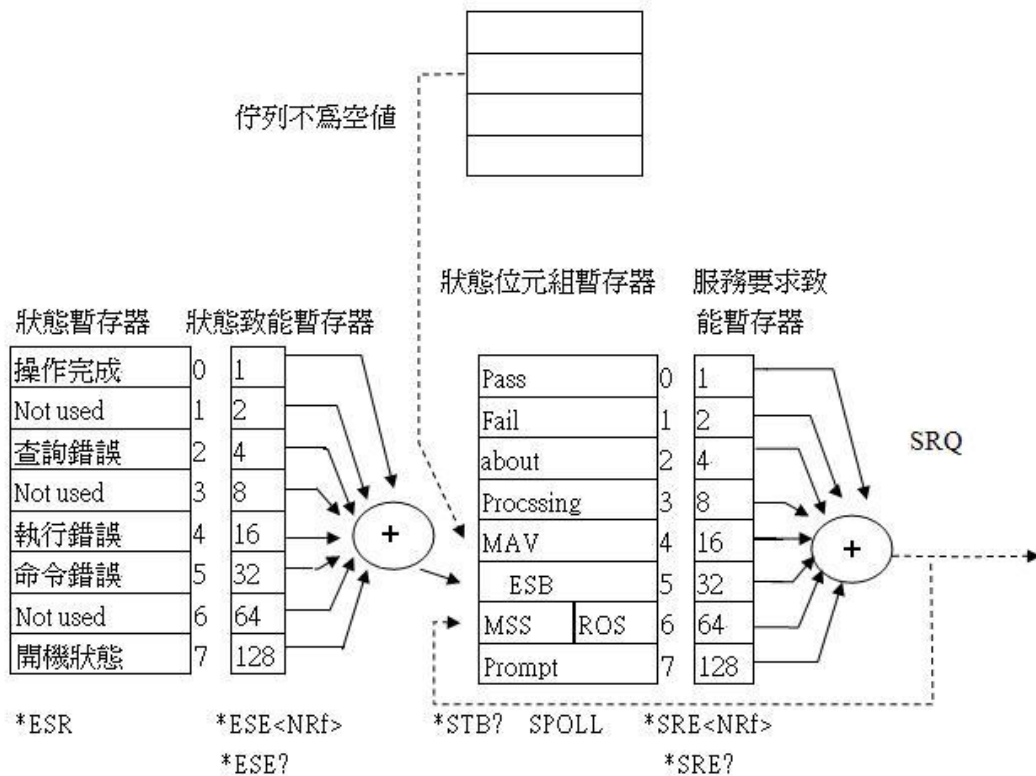
如果測試的功能為 LLT，則讀取的格式如下：

STEP number,LLT,Leakage-HI,Leakage-LO,Voltage-HI,Voltage-LO,Delay,Dwell,Neutral,Reverse,Ground,Meas.Device,Probe,Peak-RMS,Continuous

6.3.1.2 標準狀態資料結構

標準狀態資料結構,整個結構圖表示法以下圖所示加以說明。圖中使用暫存器模式狀態資料結構表示法,定義出標準事件狀態暫存器(Standard Event Status Enable Register)和標準事件狀態致

能暫存器(Standard Event Status Enable Register),用以產生 ESB 彙總訊息(狀態位元組暫存器位元 5);另外,使用佇列型狀態資料結構表示法,定義出輸出佇列,用以產生輸出佇列,用以產生 MAV 彙總訊息(狀態位元組暫存器位元 4)。接著,分別針對標準所定義之暫存器與佇列予以詳細說明。



6.3.1.3 標準事件狀態暫存器

IEEE 488.2 標準定義了標準事件狀態暫存器,明確描述了裝置所必須實現的事件狀態,每個位元所代表的事件內容說明如下:

1. 位元 0:操作完成(OPC, Operation Complete)位元
位元 0 是用來指示裝置接收到*OPC 命令後,若 TEST 命令操作完成,那麼位元 0(OPC 位元)會被設為 1。
2. 位元 1: Not used
3. 位元 2:查詢錯誤(QYE , Request Control)位元
位元 2 是用來反應輸出佇列偵測到錯誤發生,其情況為:
 - 當欲從輸出佇列讀出資料,但佇列裏卻無資料。
 - 資料在輸出佇列裏已經遺失。

4. 位元 3: Not used
5. 位元 4: 執行錯誤(EXE, Execution Error)位元
位元 4 用來顯示有執行錯誤情況發生,為
 - 一個合法<程式訊息>命令不能夠適當地被執行時,應產生一執行錯誤訊息。
 - 當<程式訊息>裏的<程式資料>(即參數)之數值超過裝置允許之範圍時應產生一執行錯誤訊息。
6. 位元 5: 命令錯誤 (CME, Command Error) 命令
裝置裏的解譯器負責偵測命令錯誤產生,命令錯誤的發生為:
 - 解譯器偵測出 IE488.2 語法錯誤(Syntax Error)。例如命令格式與裝置收聽格式,不合成則是符合裝置收聽格式,不為裝置所接受(因裝置沒有實規)。
 - 當裝置接收到一不認識<程式表頭>時,解譯器須產生一命令錯誤訊息位於 5。
7. 位元 6: Not used
8. 位元 7: 開關 (PON, Power On) 位元
位元 7 為開關位元,用來指示裝置的電源供應器由關至開的轉態狀態。

6.3.2 GPIB介面功能

這是一個連接到 BUS 上設備的能力，是由設備本身所具備的介面功能而定。這些功能在於提供設備可以經由 BUS 接收、操控和送出信息。本儀器除了輸入電壓必須使用背板上的切換開關選擇地以外，其餘的功能都能經由 BUS 控制。

IEEE-488 INTERFACE	具有完整的 Handshake 的能力
	具有 Talker/Listener 的能力
	具有 Service Request 的能力
	沒有 Remote/Local 的能力
	沒有 parallel poll 的能力
	沒有 Device Clear 的能力
	沒有 Device Trigger 的能力
	沒有 Controller 的能力
	3 state driver

	設定測試狀態和參數
	讀取液晶顯示器上的資料
	讀取測試結果
可控制的項目	Test/Reset 控制
DATA CODES	ASCII
DELIMITER	CR + LF (+ EOI)

IEEE 488.2 必備命令

*IDN?	讀取裝置資訊	製造廠商,裝置型號,序列號碼,韌體版本
*RST	重置裝置	
*TST?	自我測試	00H=OK 01H=TEST FLASH ROM ERROR
*CLS	清除 ESR,STB 暫存器	
*OPC	同步命令(中段方式)	此命令是偵測上一命令(TEST)是否完成,是 ESR BIT0 設 1
*OPC?	同步命令(輪詢方式)	此命令是偵測上一命令是否完成,是 回傳 01H
*WAI	等待命令	使用在命令與命令之間
*ESR?	讀取態況暫存器	01H(1) 操作完成 10H(16) 執行錯誤 20H(32) 命令錯誤 80H(128) 開機狀態
*ESE<NRf>	設定狀態暫致能暫存器	NRf=十進制, NRf=0~255
*ESE?	讀取狀態暫致能暫存器	0~255
*STB?	讀取狀態位元組暫存器	01H(1) ALL PASS 02H(2) FAIL 04H(4) ABORT 08H(8) Podcessing 20H(32) ESB BIT 40H(64) MSS 80H(128) Prompt
*SRE<NRf>	設定服務要求致能暫存器	NRf=十進制, NRf=0~255
*SRE?	讀取服務要求致能暫存器	0~255
*PSC	開機狀態清除命令	
*PSC?	開機狀態查詢命令	

6.3.3 GPIB位址

已被預設為 8。

6.4 IEEE-488通信範例

如要經由 IEEE BUS 設定新的檔案電壓上限為 120 volts 時，請依照下列方式進行：第一先設定新檔案(COMMAND: FN <file number>, <file name>)及步驟位址(COMMAND:SS <step number>), 選擇 LLT 模式(COMMAND:SAL), 然後再傳送 EVH 120.0 字串，這是告訴儀器要設定電壓上限為 120 volts。字串為一系列的 ASCII characters、octal、hex bytes、特殊符號或包含雙括號在內。

如測試功能已被設定為 LLT 模式，而要 LLT 測試的緩昇時間經由 IEEE BUS 設定為 10 秒時，請傳送 EDW 10.0 的字串，這告訴儀器要將 LLT 測試的緩昇時間設定為 10 秒。

如有選購 SCANNER 功能而要設定掃描器通道 1 和 2 為高電壓輸出 (High), 3 和 4 為低電壓回路 (Low), 4 到 8 為開路 (Off) 時，請在 ACW 測試模式選擇之後，鍵入 ES HHLLOOOO 的字串，其他未被設定狀態的掃描器通道會自動被設為 O (Open, 開路)。

6.5 不常更改的記憶體 (Non Volatile Memory)

當測試參數被更改時，儀器會將更改的測試參數儲存於不常更改 (Non Volatile)的記憶體內。不常更改的記憶體有重寫次數的壽命週期和限制，因此儀器備有特別的**可隨時更改 (Volatile)**的記憶體位置，可以讓測試的參數在開始測試之前，事先鍵入“可隨時更改”的記憶體內，然後再由該記憶體叫出測試參數，以供測試之執行。

當程式記憶體組為 50-30 和 BUS REMOTE ON 時，由介面修改的測試參數不會被存入“不常更改的記憶體 (EEPROM)”內。若每次測試的參數都由電腦下達參數指令，會讓“可隨時更改記憶體”的壽命提早到達壽命次數。

本公司建議將各種測試參數先設於不同的記憶體組 (有 50 組 每組 30 步驟) 內，要測試時由電腦直接呼叫記憶體組執行測試，以避免可隨時更改的記憶體 (EEPROM)提早到達壽命的次數。